

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE

BASIC EMC PUBLICATION  
PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM

**Electromagnetic compatibility (EMC) –  
Part 4-30: Testing and measurement techniques – Power quality measurement  
methods**

**Compatibilité électromagnétique (CEM) –  
Partie 4-30: Techniques d'essai et de mesure – Méthodes de mesure de la qualité  
de l'alimentation**

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61000-4-30:2008



## THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2008 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office  
3, rue de Varembe  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland  
Email: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)  
Web: [www.iec.ch](http://www.iec.ch)

### About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

### About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

- Catalogue of IEC publications: [www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)

The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications.

- IEC Just Published: [www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details twice a month all new publications released. Available on-line and also by email.

- Electropedia: [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online.

- Customer Service Centre: [www.iec.ch/webstore/custserv](http://www.iec.ch/webstore/custserv)

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us:

Email: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch)

Tel.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

### A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

### A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

- Catalogue des publications de la CEI: [www.iec.ch/searchpub/cur\\_fut-f.htm](http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm)

Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d'effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées.

- Just Published CEI: [www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues. Disponible en-ligne et aussi par email.

- Electropedia: [www.electropedia.org](http://www.electropedia.org)

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne.

- Service Clients: [www.iec.ch/webstore/custserv/custserv\\_entry-f.htm](http://www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm)

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous:

Email: [csc@iec.ch](mailto:csc@iec.ch)

Tél.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

# INTERNATIONAL STANDARD

# NORME INTERNATIONALE

BASIC EMC PUBLICATION  
PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM

**Electromagnetic compatibility (EMC) –  
Part 4-30: Testing and measurement techniques – Power quality measurement  
methods**

**Compatibilité électromagnétique (CEM) –  
Partie 4-30: Techniques d'essai et de mesure – Méthodes de mesure de la  
qualité de l'alimentation**

INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

PRICE CODE  
CODE PRIX

**XB**

ICS 33.100.99

ISBN 978-2-88910-391-1

## CONTENTS

FOREWORD.....	4
INTRODUCTION.....	6
1 Scope.....	7
2 Normative references.....	7
3 Terms and definitions .....	8
4 General .....	12
4.1 Classes of measurement methods .....	12
4.2 Organization of the measurements.....	13
4.3 Electrical values to be measured.....	13
4.4 Measurement aggregation over time intervals .....	14
4.5 Measurement aggregation algorithm .....	14
4.5.1 Requirements .....	14
4.5.2 150/180 cycle aggregation .....	14
4.5.3 10 min aggregation .....	15
4.5.4 2 hour aggregation.....	18
4.6 Real time clock (RTC) uncertainty.....	18
4.7 Flagging concept .....	18
5 Power quality parameters.....	19
5.1 Power frequency.....	19
5.1.1 Measurement method .....	19
5.1.2 Measurement uncertainty and measuring range.....	19
5.1.3 Measurement evaluation.....	19
5.1.4 Aggregation.....	19
5.2 Magnitude of the supply voltage.....	20
5.2.1 Measurement method .....	20
5.2.2 Measurement uncertainty and measuring range.....	20
5.2.3 Measurement evaluation .....	20
5.2.4 Aggregation .....	20
5.3 Flicker.....	20
5.3.1 Measurement method .....	20
5.3.2 Measurement uncertainty and measuring range.....	20
5.3.3 Measurement evaluation .....	21
5.3.4 Aggregation .....	21
5.4 Supply voltage dips and swells.....	21
5.4.1 Measurement method .....	21
5.4.2 Detection and evaluation of a voltage dip .....	22
5.4.3 Detection and evaluation of a voltage swell .....	22
5.4.4 Calculation of a sliding reference voltage .....	23
5.4.5 Measurement uncertainty and measuring range.....	23
5.4.6 Aggregation .....	24
5.5 Voltage interruptions.....	24
5.5.1 Measurement method .....	24
5.5.2 Evaluation of a voltage interruption .....	24
5.5.3 Measurement uncertainty and measuring range.....	25
5.5.4 Aggregation .....	25
5.6 Transient voltages .....	25

5.7	Supply voltage unbalance .....	25
5.7.1	Measurement method .....	25
5.7.2	Measurement uncertainty and measuring range.....	26
5.7.3	Measurement evaluation .....	26
5.7.4	Aggregation .....	26
5.8	Voltage harmonics .....	26
5.8.1	Measurement method .....	26
5.8.2	Measurement uncertainty and measuring range.....	27
5.8.3	Measurement evaluation .....	27
5.8.4	Aggregation .....	27
5.9	Voltage interharmonics .....	27
5.9.1	Measurement method .....	27
5.9.2	Measurement uncertainty and measuring range.....	28
5.9.3	Measurement evaluation .....	28
5.9.4	Aggregation .....	28
5.10	Mains signalling voltage on the supply voltage .....	28
5.10.1	Measurement method .....	28
5.10.2	Measurement uncertainty and measuring range.....	29
5.10.3	Measurement evaluation .....	29
5.10.4	Aggregation .....	29
5.11	Rapid Voltage Changes (RVC).....	29
5.12	Measurement of underdeviation and overdeviation parameters.....	29
5.12.1	Measurement method .....	29
5.12.2	Measurement uncertainty and measuring range.....	30
5.12.3	Aggregation .....	30
6	Range of influence quantities and steady-state verification .....	30
6.1	Range of influence quantities .....	30
6.2	Steady-state performance verification .....	32
	Annex A (informative) Power quality measurements – Issues and guidelines.....	34
	Annex B (informative) Power quality measurement – Guidance for applications .....	47
	Annex C (informative) Guidance on instruments .....	59
	Bibliography.....	62
	Figure 1 – Measurement chain .....	13
	Figure 2 – Synchronization of aggregation intervals for Class A .....	15
	Figure 3 – Synchronization of aggregation intervals for class S: parameters for which gaps are not permitted .....	16
	Figure 4 – Synchronization of aggregation intervals for class S: parameters for which gaps are permitted (see 4.5.2).....	17
	Figure 5 – Example of supply voltage unbalance uncertainty.....	26
	Figure A.1 – Frequency spectrum of typical representative transient test waveforms .....	40
	Table 1 – Influence quantity range.....	31
	Table 2 – Uncertainty steady-state verification for class A and class S.....	33
	Table C.1 – Summary of requirements.....	60

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –****Part 4-30: Testing and measurement techniques –  
Power quality measurement methods**

## FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61000-4-30 has been prepared by subcommittee 77A: Low-frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Electromagnetic compatibility.

This standard forms part 4-30 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in accordance with IEC Guide 107.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2003. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition.

- Adjustments, clarifications, and corrections to class A and class B measurement methods.
- A new category, class S, intended for survey instruments, has been added.
- A new Annex C gives guidance on instruments.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
77A/660/FDIS	77A/666/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 61000 series, under the general title *Electromagnetic compatibility (EMC)*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61000-4-30:2008

Withdrawn

## INTRODUCTION

IEC 61000 is published in separate parts according to the following structure:

### **Part 1: General**

General considerations (introduction, fundamental principles)

Definitions, terminology

### **Part 2: Environment**

Description of the environment

Classification of the environment

Compatibility levels

### **Part 3: Limits**

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under the responsibility of the product committees)

### **Part 4: Testing and measurement techniques**

Measurement techniques

Testing techniques

### **Part 5: Installation and mitigation guidelines**

Installation guidelines

Mitigation methods and devices

### **Part 6: Generic standards**

### **Part 9: Miscellaneous**

Each part is further subdivided into several parts, published either as International Standards or as Technical Specifications or Technical Reports, some of which have already been published as sections. Others will be published with the part number followed by a dash and completed by a second number identifying the subdivision (example: IEC 61000-6-1).

## ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) –

### Part 4-30: Testing and measurement techniques – Power quality measurement methods

#### 1 Scope

This part of IEC 61000-4 defines the methods for measurement and interpretation of results for power quality parameters in 50/60 Hz a.c. power supply systems.

Measurement methods are described for each relevant parameter in terms that give reliable and repeatable results, regardless of the method's implementation. This standard addresses measurement methods for *in situ* measurements.

Measurement of parameters covered by this standard is limited to voltage phenomena that can be conducted in a power system. The power quality parameters considered in this standard are power frequency, magnitude of the supply voltage, flicker, supply voltage dips and swells, voltage interruptions, transient voltages, supply voltage unbalance, voltage harmonics and interharmonics, mains signalling on the supply voltage and rapid voltage changes. Depending on the purpose of the measurement all or a subset of the phenomena on this list may be measured.

NOTE 1 Information about current parameters may be found in A.3 and A.5.

This standard gives measurement methods and appropriate performance requirements, but does not set thresholds.

The effects of transducers inserted between the power system and the instrument are acknowledged but not addressed in detail in this standard. Precautions on installing monitors on live circuits are addressed.

NOTE 2 Some guidance about effects of transducers may be found in IEC 61557-12.

#### 2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-161, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 161: Electromagnetic compatibility*

IEC 61000-2-2:2002, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-2: Environment – Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems*

IEC 61000-2-4, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-4: Environment – Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances*

IEC 61000-3-8, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3: Limits – Section 8: Signalling on low-voltage electrical installations – Emission levels, frequency bands and electromagnetic disturbance levels*

IEC 61000-4-4:2004, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test*

IEC 61000-4-7:2002, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-7: Testing and measurement techniques – General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto*

Amendment 1 (2008)

IEC 61000-4-15, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 15: Flickermeter – Functional and design specifications*

IEC 61180 (all parts), *High-voltage test techniques for low voltage equipment*

### 3 Terms and definitions

For the purpose of this document, the definitions of IEC 60050-161, as well as the following, apply.

#### 3.1

##### **channel**

individual measurement path through an instrument

NOTE “Channel” and “phase” are not the same. A voltage channel is by definition the difference in potential between 2 conductors. Phase refers to a single conductor. On polyphase systems, a channel may be between 2 phases, or between a phase and neutral, or between a phase and earth, or between neutral and earth.

#### 3.2

##### **Coordinated Universal Time**

##### **UTC**

time scale which forms the basis of a coordinated radio dissemination of standard frequencies and time signals. It corresponds exactly in rate with international atomic time, but differs from it by an integral number of seconds.

NOTE 1 Coordinated universal time is established by the International Bureau of Weights and Measures (BIPM) and the International Earth Rotation Service (IERS).

NOTE 2 The UTC scale is adjusted by the insertion or deletion of seconds, so called positive or negative leap seconds, to ensure approximate agreement with UT1.

[IEV 713-05-20]

#### 3.3

##### **declared input voltage**

##### $U_{\text{din}}$

value obtained from the declared supply voltage by a transducer ratio

#### 3.4

##### **declared supply voltage**

##### $U_c$

declared supply voltage  $U_c$  is normally the nominal voltage  $U_n$  of the system. If, by agreement between the supplier and the customer, a voltage different from the nominal voltage is applied to the terminal, then this voltage is the declared supply voltage  $U_c$

#### 3.5

##### **dip threshold**

voltage magnitude specified for the purpose of detecting the start and the end of a voltage dip

### 3.6

#### **flagged data**

data that has been marked to indicate that its measurement or its aggregation may have been affected by interruptions, dips, or swells

NOTE Flagging enables other methods that may prevent a single event from being counted as several different types of events. Flagging is supplemental information about a measurement or aggregation. Flagged data is not removed from the data set. In some applications, flagged data may be excluded from further analysis but in other applications, the fact that data was flagged may be unimportant. The user, application, regulation, or other standards determine the use of flagged data. See 4.7 for further explanation.

### 3.7

#### **flicker**

impression of unsteadiness of visual sensation induced by a light stimulus whose luminance or spectral distribution fluctuates with time

[IEV 161-08-13]

### 3.8

#### **fundamental component**

component whose frequency is the fundamental frequency

[IEV 101-14-49, modified]

### 3.9

#### **fundamental frequency**

frequency in the spectrum obtained from a Fourier transform of a time function, to which all the frequencies of the spectrum are referred

[IEV 101-14-50, modified]

NOTE In case of any remaining risk of ambiguity, the fundamental frequency may be derived from the number of poles and speed of rotation of the synchronous generator(s) feeding the system.

### 3.10

#### **harmonic component**

any of the components having a harmonic frequency

[IEC 61000-2-2:2002, 3.2.4, modified]

NOTE Its value is normally expressed as an r.m.s. value. For brevity, such component may be referred to simply as a harmonic.

### 3.11

#### **harmonic frequency**

frequency which is an integer multiple of the fundamental frequency

NOTE The ratio of the harmonic frequency to the fundamental frequency is the *harmonic order* (notation: *h*).

### 3.12

#### **hysteresis**

difference in magnitude between the start and end thresholds

NOTE 1 This definition of hysteresis is relevant to Power Quality (PQ) measurement parameters and is different from the IEC definition which is relevant to iron core saturation.

NOTE 2 The purpose of hysteresis in the context of PQ measurements is to avoid counting multiple events when the magnitude of the parameter oscillates about the threshold level.

### 3.13

#### **influence quantity**

any quantity which may affect the working performance of a measuring equipment

[IEV 311-06-01, modified]

NOTE This quantity is generally external to the measurement equipment.

### 3.14

#### **interharmonic component**

component having an interharmonic frequency

[IEC 61000-2-2:2002, 3.2.6]

NOTE Its value is normally expressed as an r.m.s. value. For brevity, such a component may be referred to simply as an *interharmonic*.

### 3.15

#### **interharmonic frequency**

any frequency which is not an integer multiple of the fundamental frequency

[IEC 61000-2-2:2002, 3.2.5]

### 3.16

#### **interruption**

reduction of the voltage at a point in the electrical system below the interruption threshold

### 3.17

#### **interruption threshold**

voltage magnitude specified for the purpose of detecting the start and the end of a voltage interruption

### 3.18

#### **measurement uncertainty**

parameter, associated with the result of a measurement, that characterizes the dispersion of the values that could reasonably be attributed to the measurand

[IEV 311-01-02]

### 3.19

#### **nominal voltage**

$U_n$

voltage by which a system is designated or identified

### 3.20

#### **overdeviation**

absolute value of the difference between the measured value and the nominal value of a parameter, only when the measured value of the parameter is greater than the nominal value

### 3.21

#### **power quality**

characteristics of the electricity at a given point on an electrical system, evaluated against a set of reference technical parameters

NOTE These parameters might, in some cases, relate to the compatibility between electricity supplied on a network and the loads connected to that network.

**3.22****Real-Time Clock****RTC**

local timekeeping device used for implementing certain methods in this standard.

NOTE The relationship between the real-time clock and UTC is defined in 4.6.

**3.23****r.m.s. (root-mean-square) value**

square root of the arithmetic mean of the squares of the instantaneous values of a quantity taken over a specified time interval and a specified bandwidth

[IEV 101-14-16, modified]

**3.24****r.m.s. voltage refreshed each half-cycle** **$U_{\text{rms}(1/2)}$** 

value of the r.m.s. voltage measured over 1 cycle, commencing at a fundamental zero crossing, and refreshed each half-cycle

NOTE 1 This technique is independent for each channel and will produce r.m.s. values at successive times on different channels for polyphase systems.

NOTE 2 This value is used only for voltage dip, voltage swell and interruption detection and evaluation, in Class A.

NOTE 3 This r.m.s. voltage value may be a phase-to-phase value or a phase-to-neutral value.

**3.25****r.m.s. voltage refreshed each cycle** **$U_{\text{rms}(1)}$** 

value of the r.m.s. voltage measured over 1 cycle and refreshed each cycle

NOTE 1 In contrast to  $U_{\text{rms}(1/2)}$ , this technique does not define when a cycle commences.

NOTE 2 This value is used only for voltage dip, voltage swell and interruption detection and evaluation, in Class S.

NOTE 3 This r.m.s. voltage value can be a phase-to-phase value or a phase-to-neutral value.

**3.26****range of influence quantities**

range of values of a single influence quantity

**3.27****reference channel**

one of the voltage measurement channels designated as the reference channel for polyphase measurements

**3.28****residual voltage** **$U_{\text{res}}$** 

minimum value of  $U_{\text{rms}(1/2)}$  or  $U_{\text{rms}(1)}$  recorded during a voltage dip or interruption

NOTE The residual voltage is expressed as a value in volts, or as a percentage or per unit value of  $U_{\text{din}}$ .  $U_{\text{rms}(1/2)}$  is used for Class A. Either  $U_{\text{rms}(1/2)}$  or  $U_{\text{rms}(1)}$  may be used for Class S. See 5.4.1.

**3.29****sliding reference voltage** **$U_{\text{sr}}$** 

voltage magnitude averaged over a specified time interval, representing the voltage preceding a voltage-change type of event (e.g. voltage dips and swells, rapid voltage changes)

### 3.30

#### **swell threshold**

voltage magnitude specified for the purpose of detecting the start and the end of a swell

### 3.31

#### **time aggregation**

combination of several sequential values of a given parameter (each determined over identical time intervals) to provide a value for a longer time interval

NOTE Aggregation in this standard always refers to time aggregation.

### 3.32

#### **underdeviation**

the absolute value of the difference between the measured value and the nominal value of a parameter, only when the value of the parameter is lower than the nominal value

### 3.33

#### **voltage dip**

temporary reduction of the voltage magnitude at a point in the electrical system below a threshold

NOTE 1 Interruptions are a special case of a voltage dip. Post-processing may be used to distinguish between voltage dips and interruptions.

NOTE 2 A voltage dip is also referred to as sag. The two terms are considered interchangeable; however, this standard will only use the term voltage dip.

### 3.34

#### **voltage swell**

temporary increase of the voltage magnitude at a point in the electrical system above a threshold

### 3.35

#### **voltage unbalance**

condition in a polyphase system in which the r.m.s. values of the line voltages (fundamental component), and/or the phase angles between consecutive line voltages, are not all equal

[IEV 161-08-09, modified]

NOTE 1 The degree of the inequality is usually expressed as the ratios of the negative- and zero-sequence components to the positive-sequence component.

NOTE 2 In this standard, voltage unbalance is considered in relation to 3-phase systems.

## 4 General

### 4.1 Classes of measurement methods

For each parameter measured, three classes (A, S and B) are defined. For each class, measurement methods and appropriate performance requirements are included.

#### – Class A

This class is used where precise measurements are necessary, for example, for contractual applications that may require resolving disputes, verifying compliance with standards, etc. Any measurements of a parameter carried out with two different instruments complying with the requirements of Class A, when measuring the same signals, will produce matching results within the specified uncertainty for that parameter.

### – Class S

This class is used for statistical applications such as surveys or power quality assessment, possibly with a limited subset of parameters. Although it uses equivalent intervals of measurement as class A, the class S processing requirements are lower.

### – Class B

This class is defined in order to avoid making many existing instruments designs obsolete.

NOTE Class B methods are not recommended for new designs. Readers are advised that Class B may be removed in a future Edition of this standard.

For each class, the range of influencing factors that shall be complied with is specified in Clause 6. Users shall select the class that they require, based on their application(s).

NOTE 1 The instrument manufacturer should declare influence quantities which are not expressly given and which may degrade performance of the instrument. Guidance can be found, for example, in IEC 61557-12.

NOTE 2 An instrument may measure some or all of the parameters identified in this standard, and preferably uses the same class for all parameters.

NOTE 3 The instrument manufacturer should declare which parameters are measured, which class is used for each parameter, the range of  $U_{\text{din}}$  for which each class is fulfilled, and all the necessary requirements and accessories (synchronization, probes, calibration period, temperature ranges, etc.) to meet each class.

NOTE 4 In this standard, “A” stands for “Advanced”, and “S” stands for “Surveys” (“B” or “Basic” methods are not recommended for new designs, because Class B may be removed in a future Edition of this standard.)

## 4.2 Organization of the measurements

The electrical quantity to be measured may be either directly accessible, as is generally the case in low-voltage systems, or accessible via measurement transducers.

The whole measurement chain is shown in Figure 1.

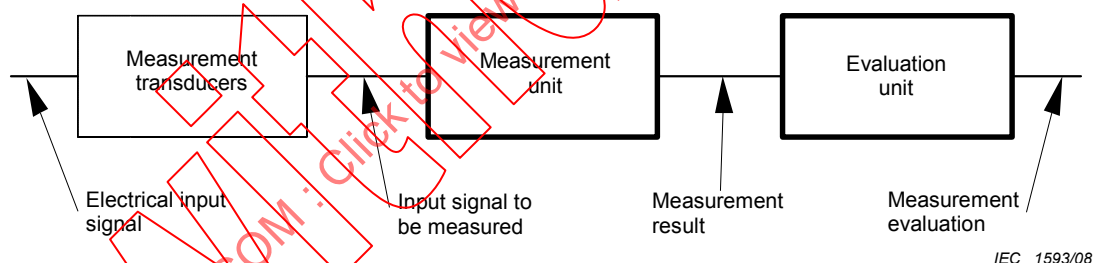


Figure 1 – Measurement chain

An instrument may include the whole measurement chain (see Figure 1). In this standard, the normative part does not consider the measurement transducers external to the instrument and their associated uncertainty, but Clause A.3 gives guidance.

## 4.3 Electrical values to be measured

Measurements can be performed on single-phase or polyphase supply systems. Depending on the context, it may be necessary to measure voltages between phase conductors and neutral (line-to-neutral) or between phase conductors (line-to-line) or between phase conductors or neutral and earth (phase-to-earth, neutral-to-earth). It is not the purpose of this standard to impose the choice of the electrical values to be measured. Moreover, except for the measurement of voltage unbalance, which is intrinsically polyphase, the measurement methods specified in this standard are such that independent results can be produced on each measurement channel.

Phase-to-phase instantaneous values can be measured directly or derived from instantaneous phase-to-neutral measured values.

Current measurements can be performed on each conductor of supply systems, including the neutral conductor and the protective earth conductor.

NOTE It is often useful to measure current simultaneously with voltage and to associate the current measurements in one conductor with voltage measurements between that conductor and a reference conductor, such as an earth conductor or a neutral conductor.

#### 4.4 Measurement aggregation over time intervals

The following measurement aggregations apply:

##### – Class A

The basic measurement time interval for parameter magnitudes (supply voltage, harmonics, interharmonics and unbalance) shall be a 10-cycle time interval for a 50 Hz power system or 12-cycle time interval for a 60 Hz power system.

The 10/12-cycle measurement shall be re-synchronized at every RTC 10 min tick. See Figure 2.

NOTE 1 The uncertainty of this measurement is included in the uncertainty measurement protocol of each parameter.

The 10/12-cycle values are then aggregated over 3 additional intervals:

- 150/180-cycle interval (150 cycles for 50 Hz nominal or 180 cycles for 60 Hz nominal),
- 10 min interval,
- 2 h interval.

NOTE 2 In some applications, other time intervals (e.g. 1 min) may be useful. These other time intervals, if used, should be implemented with an aggregation method that is analogous to a method defined in this standard (e.g. a 1 min time interval, if used, should be implemented using a method that is analogous to the 10 minute aggregation method).

NOTE 3 Clauses B.1 and B.2 discuss some applications of these aggregation time intervals.

##### – Class S

Same time intervals as Class A. The 10/12-cycle measurement shall be re-synchronized as described in Figure 3 and Figure 4.

##### – Class B

The manufacturer shall specify the number and duration of aggregation time intervals.

#### 4.5 Measurement aggregation algorithm

##### 4.5.1 Requirements

Aggregations shall be performed using the square root of the arithmetic mean of the squared input values.

NOTE For flicker measurements, the aggregation algorithm is different (see IEC 61000-4-15).

##### 4.5.2 150/180 cycle aggregation

##### – Class A

The data for the 150/180-cycle time interval shall be aggregated without gap from fifteen 10/12-cycle time intervals.

The 150/180-cycle time interval is resynchronized upon the 10 min tick as shown in Figure 2.

When a 10 min tick occurs, a new 150/180-cycle time interval begins, and the pending 150/180-cycle time interval also continues until it is completed. This may create an overlap between these two 150/180-cycles intervals (overlap 2 in Figure 2).

- **Class S**

The data for the 150/180-cycle time interval shall be aggregated from 10/12-cycle time intervals. Resynchronization with the 10 min tick is permitted but not required. (See Figure 3).

Gaps are permitted but not required for harmonics, interharmonics, mains signalling voltage and unbalance. A minimum of three 10/12-cycle values shall be used each 150/180-cycle time interval, furthermore at least one 10/12-cycle value shall be used each 50/60 cycles (See Figure 4). For all other parameters, the data for the 150/180-cycle time interval shall be aggregated without gap from fifteen 10/12-cycle time intervals.

- **Class B**

The manufacturer shall specify the method of aggregation.

**4.5.3 10 min aggregation**

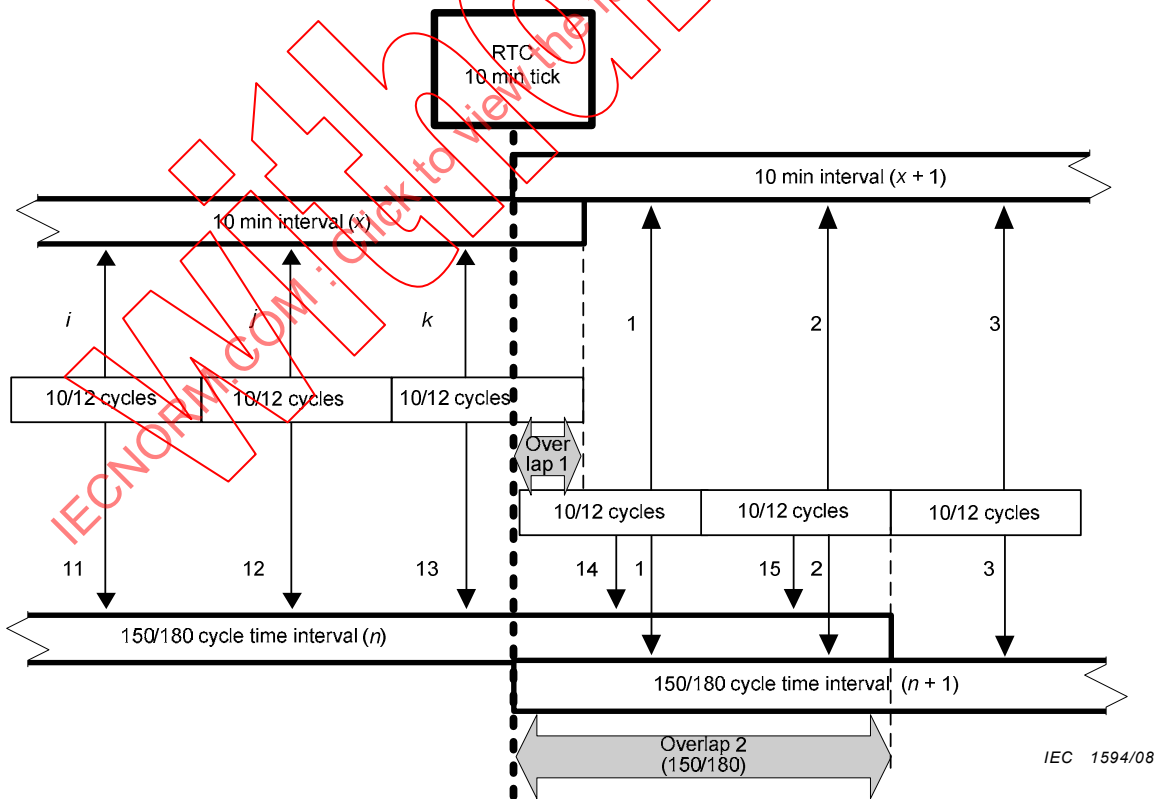
- **Class A**

The 10 min aggregated value shall be tagged with the absolute time (for example, 01H10.00). The time tag is the time at the conclusion of the 10 min aggregation.

The data for the 10 min time interval shall be aggregated without gaps from 10/12-cycle time intervals.

Each 10 min interval shall begin on an RTC 10 min tick. The 10 min tick is also used to re-synchronize the 10/12-cycle intervals and the 150/180-cycle intervals. See Figure 2.

The final 10/12-cycle interval(s) in a 10 min aggregation period will typically overlap in time with the RTC 10 min clock tick. Any overlapping 10/12-cycle interval (overlap 1 in Figure 2) is included in the aggregation of the previous 10 min interval



**Figure 2 – Synchronization of aggregation intervals for Class A**

- **Class S**

The 10 min aggregation method used for class S shall be either the class A method, or the following simplified method.

A new 10 min time interval shall commence after a 10 min tick occurs, at the beginning of the next 10/12 cycle time interval.

The data for the 10 min time interval shall be aggregated from 10/12-cycle time intervals. There is no resynchronization on the 10 min tick. The 10 min intervals are free running.

The 10 min aggregated value shall be tagged with the absolute time. The time tag is the time at the conclusion of the 10 min interval.

There will be no overlap, as illustrated in Figure 3 and Figure 4.

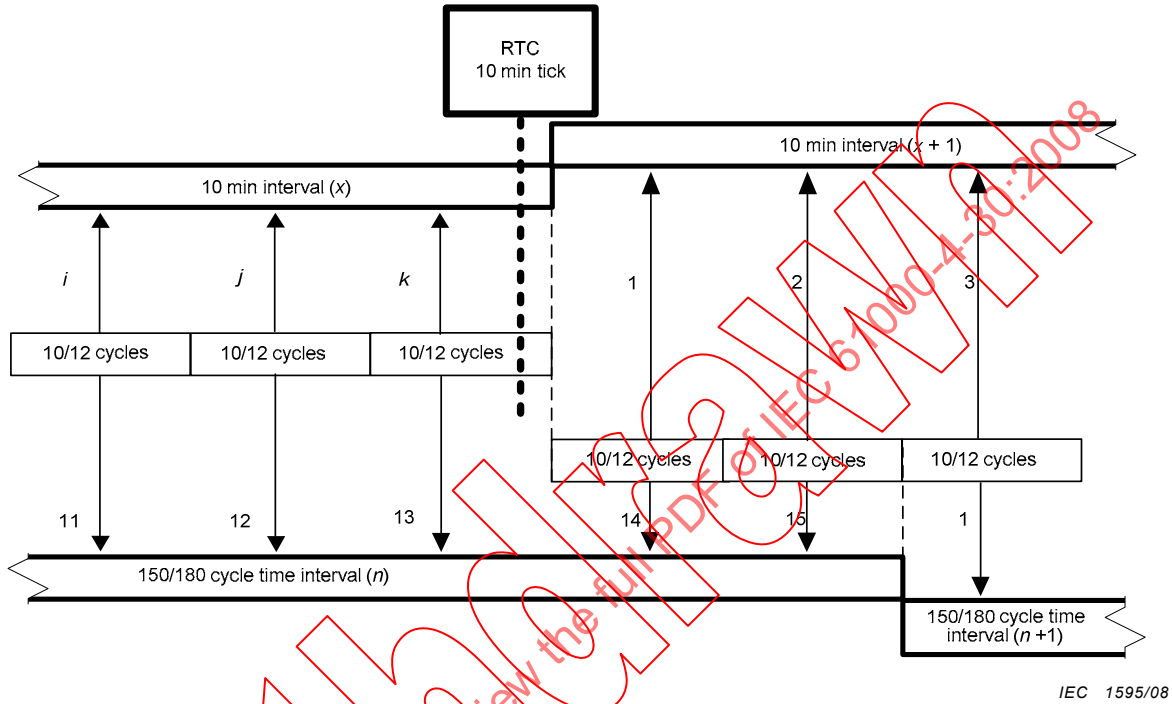
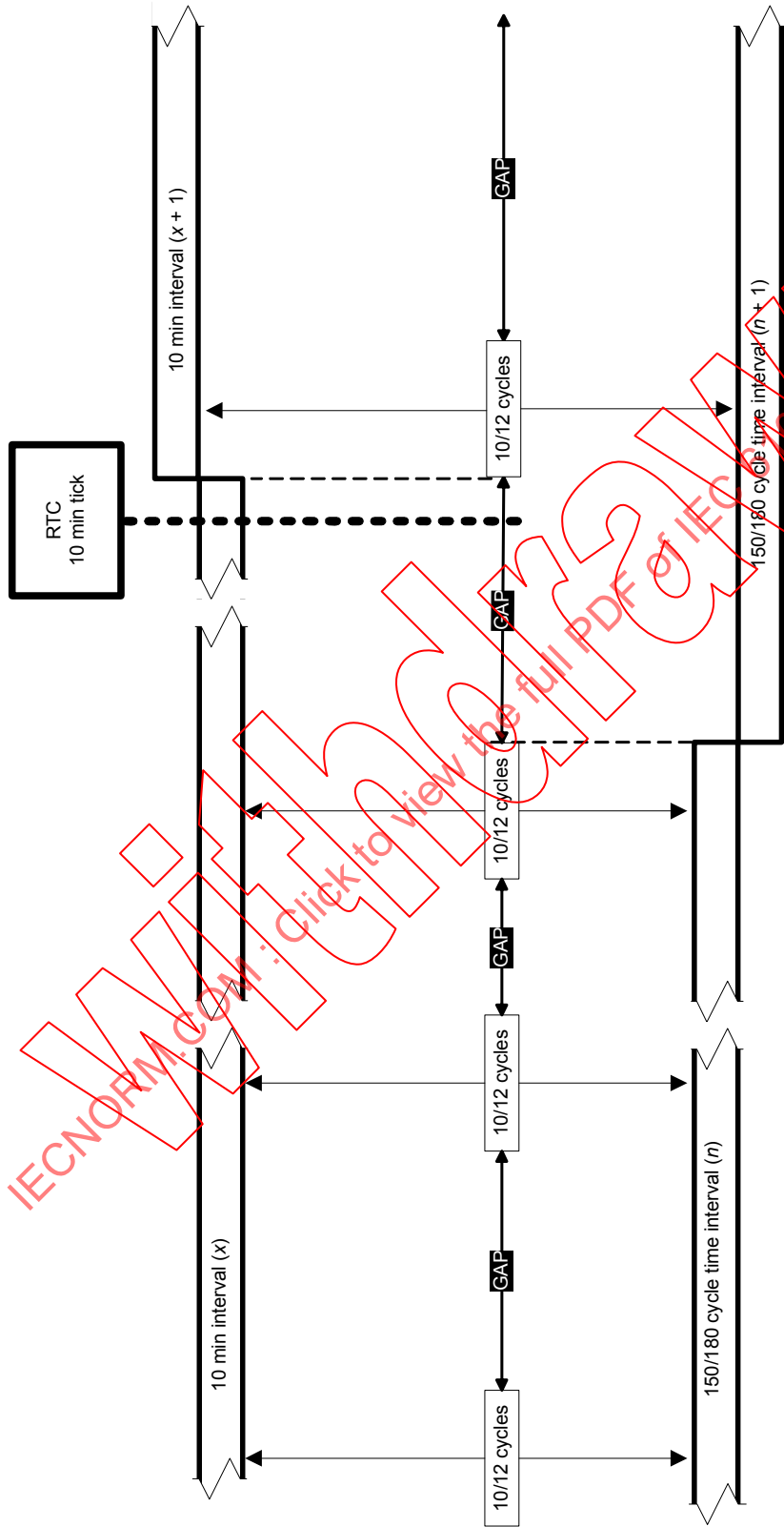


Figure 3 – Synchronization of aggregation intervals for class S: parameters for which gaps are not permitted

IECNORM.COM : Go to view the full PDF of IEC 61000-4-30:2008



IEC 1596/08

**Figure 4 – Synchronization of aggregation intervals for class S: parameters for which gaps are permitted (see 4.5.2)**

NOTE The mains frequency may be either higher or lower than expected. In the example shown in Figure 3, the frequency is lower than expected, so the 150/180 cycle interval continues beyond the 10 min tick. In the example shown in Figure 4, the frequency is higher than expected and/or there are gaps, so the 150/180 cycle interval concludes before the 10 min tick.

- **Class B**

The manufacturer shall specify the method of aggregation.

#### 4.5.4 2 hour aggregation

- **Class A**

The data for the 2 h interval shall be aggregated from twelve 10 min intervals. The 2 h interval shall be gapless and not overlap. 2 h intervals commence at even-numbered 2 h RTC intervals.

- **Class S**

Same as class A.

- **Class B**

The manufacturer shall specify the method of aggregation.

#### 4.6 Real time clock (RTC) uncertainty

RTC uncertainty is defined relative to Coordinated Universal Time (UTC).

- **Class A**

The RTC uncertainty shall not exceed  $\pm 20$  ms for 50 Hz or  $\pm 16,7$  ms for 60 Hz, regardless of the total time interval. This performance can be achieved, for example, through a synchronization procedure applied periodically during a measurement campaign, or through a GPS receiver, or through reception of transmitted radio timing signals. When synchronization by an external signal becomes unavailable, the RTC tolerance shall be better than  $\pm 1$  s per 24 h period, however, this exception does not eliminate the requirement for compliance with the first part of this paragraph.

NOTE This performance is necessary to ensure that two instruments using class A methods produce the same 10 min and 2 h aggregation results when connected to the same signal. This performance is also necessary when it is required to use simultaneously more than one instrument using Class A methods, possibly placed at different locations.

- **Class S**

The RTC uncertainty shall not exceed  $\pm 5$  s per 24 h period.

- **Class B**

The manufacturer shall specify the RTC uncertainty and the method to determine aggregation intervals, if any.

#### 4.7 Flagging concept

During a dip, swell, or interruption, the measurement algorithm for other parameters (for example, frequency measurement) might produce an unreliable value. The flagging concept therefore avoids counting a single event more than once in different parameters (for example, counting a single dip as both a dip and a frequency variation), and indicates that an aggregated value might be unreliable.

Flagging is only triggered by dips, swells, and interruptions. The detection of dips and swells is dependent on the threshold selected by the user, and this selection will influence which data are flagged.

The flagging concept is applicable for class A and class S during measurement of power frequency, voltage magnitude, flicker, supply voltage unbalance, voltage harmonics, voltage interharmonics, mains signalling and measurement of underdeviation and overdeviation parameters.

If, during a given time interval, any value is flagged, the aggregated value which includes that value shall also be flagged. The flagged value shall be stored and also included in the aggregation process. For example, if during a given time interval, any value is flagged, then the aggregated value that includes this value shall also be flagged and stored.

NOTE The flag may be made available with the data. The user, application, regulation, or other standards determine the use of flagged data. The fact that data have been flagged is an alert that there are possible problems in the data.

## 5 Power quality parameters

### 5.1 Power frequency

#### 5.1.1 Measurement method

##### – Class A

The frequency reading shall be obtained every 10 s. As power frequency may not be exactly 50 Hz or 60 Hz within the 10 s time clock interval, the number of cycles may not be an integer number. The fundamental frequency output is the ratio of the number of integral cycles counted during the 10 s time clock interval, divided by the cumulative duration of the integer cycles. Before each assessment, harmonics and interharmonics shall be attenuated to minimize the effects of multiple zero crossings.

The measurement time intervals shall be non-overlapping. Individual cycles that overlap the 10 s time clock are discarded. Each 10 s interval shall begin on an absolute 10 s time clock, with uncertainty as defined in 4.6.

Other techniques that provide equivalent results, such as convolution, are acceptable.

##### – Class S

Same as class A.

##### – Class B

The manufacturer shall specify the process used for frequency measurement.

#### 5.1.2 Measurement uncertainty and measuring range

##### – Class A

Under the conditions described in 6.1, the measurement uncertainty shall not exceed  $\pm 10$  mHz over the measuring ranges 42,5 Hz ~ 57,5 Hz / 51 Hz ~ 69 Hz.

##### – Class S

Under the conditions described in 6.1, the measurement uncertainty shall not exceed  $\pm 50$  mHz over the measuring ranges 42,5 Hz ~ 57,5 Hz / 51 Hz ~ 69 Hz.

##### – Class B

The manufacturer shall specify the uncertainty over the measuring ranges 42,5 Hz ~ 57,5 Hz / 51 Hz ~ 69 Hz.

#### 5.1.3 Measurement evaluation

##### – Class A

The frequency measurement shall be made on the reference channel.

NOTE The manufacturer should specify the behaviour of frequency measurement whenever the reference channel loses voltage.

##### – Class S

Same as class A.

##### – Class B

The manufacturer shall indicate the process used for frequency measurement.

#### 5.1.4 Aggregation

Aggregation is not required.

## 5.2 Magnitude of the supply voltage

### 5.2.1 Measurement method

#### – Class A

The measurement shall be the r.m.s. value of the voltage magnitude over a 10-cycle time interval for 50 Hz power systems or 12-cycle time interval for 60 Hz power system. Every 10/12-cycle interval shall be contiguous, and not overlapping with adjacent 10/12-cycle intervals except as shown as overlap 1 in Figure 2.

NOTE 1 This specific measurement method is used for quasi-stationary signals, and is not used for the detection and measurement of disturbances: dips, swells, voltage interruptions and transients.

NOTE 2 The r.m.s. value includes, by definition, harmonics, interharmonics, mains signalling, etc.

#### – Class S

Same as class A.

#### – Class B

The measurement shall be the r.m.s. value of the voltage over a period specified by the manufacturer.

### 5.2.2 Measurement uncertainty and measuring range

#### – Class A

Under the conditions described in 6.1, the measurement uncertainty shall not exceed  $\pm 0,1$  % of  $U_{din}$ , over the range of 10 % ~ 150 % of  $U_{din}$ .

#### – Class S

Under the conditions described in 6.1, the measurement uncertainty shall not exceed  $\pm 0,5$  % of  $U_{din}$ , over the range of 20 % ~ 120 % of  $U_{din}$ .

#### – Class B

Under the conditions described in 6.1, the measurement uncertainty shall be specified by the manufacturer, in such a way as not to exceed  $\pm 1$  % of  $U_{din}$ , over a range specified by the manufacturer.

### 5.2.3 Measurement evaluation

No requirements.

### 5.2.4 Aggregation

Aggregation shall be performed according to 4.4 and 4.5.

## 5.3 Flicker

### 5.3.1 Measurement method

#### – Class A

IEC 61000-4-15 applies.

#### – Class S

IEC 61000-4-15 applies.

#### – Class B

Not applicable.

NOTE In IEC 61000-4-15, measurements are defined only at 120 V / 60 Hz and 230 V / 50 Hz. At present, an extension of the flicker definition to other voltages is being considered.

### 5.3.2 Measurement uncertainty and measuring range

#### – Class A

See IEC 61000-4-15. Under the conditions described in 6.1, the measurement uncertainty required by IEC 61000-4-15 shall be met over the measuring range of  $0,2 \sim 10 P_{st}$ .

– **Class S**

See IEC 61000-4-15. Under the conditions described in 6.1, twice the permitted measurement uncertainty required by IEC 61000-4-15 shall be met over the measuring range of  $0,4 \sim 4 P_{st}$ .

– **Class B**

Not applicable.

### 5.3.3 Measurement evaluation

– **Class A**

IEC 61000-4-15 applies.

The 10 min time interval for  $P_{st}$  shall commence on an RTC 10 min tick, and shall be tagged with the absolute time (see 4.5.3).

Voltage dips, swells, and interruptions shall cause  $P_{st}$  and  $P_{it}$  output values (see IEC 61000-4-15) to be flagged.

– **Class S**

Same as class A.

– **Class B**

Not applicable.

### 5.3.4 Aggregation

– **Class A**

Aggregation shall be performed according to IEC 61000-4-15. For  $P_{it}$ , aggregation shall be performed according to IEC 61000-4-15 over 2 h periods, as per 4.5.4 of this standard.

– **Class S**

Same as class A.

– **Class B**

Not applicable.

## 5.4 Supply voltage dips and swells

### 5.4.1 Measurement method

– **Class A**

The basic measurement  $U_{rms}$  of a voltage dip and swell shall be the  $U_{rms(1/2)}$  on each measurement channel (see 3.24).

The cycle duration for  $U_{rms(1/2)}$  depends on the frequency. The frequency might be determined by the last non-flagged power frequency measurement (see 4.7 and 5.1), or by any other method that yields the uncertainty requirements of 6.2.

NOTE 1 The  $U_{rms(1/2)}$  value includes, by definition, harmonics, interharmonics, mains signalling voltage, etc.

– **Class S**

The basic measurement  $U_{rms}$  of a voltage dip and swell shall be either the  $U_{rms(1/2)}$  on each measurement channel (see 3.24), or the  $U_{rms(1)}$  on each measurement channel (see 3.25). The manufacturer shall specify which measurement is used.

NOTE 2 The  $U_{rms(1)}$  value includes, by definition, harmonics, interharmonics, mains signalling voltage, etc.

– **Class B**

The manufacturer shall specify the method used for  $U_{rms}$ .

## 5.4.2 Detection and evaluation of a voltage dip

### 5.4.2.1 Voltage dip detection

The dip threshold is a percentage of either  $U_{\text{din}}$  or the sliding voltage reference  $U_{\text{sr}}$  (see 5.4.4). The user shall declare the reference voltage in use.

NOTE Sliding voltage reference  $U_{\text{sr}}$  is generally not used in LV systems. See IEC 61000-2-8 for further information and advice.

- On single-phase systems, a voltage dip begins when the  $U_{\text{rms}}$  voltage falls below the dip threshold, and ends when the  $U_{\text{rms}}$  voltage is equal to or above the dip threshold plus the hysteresis voltage.
- On polyphase systems, a dip begins when the  $U_{\text{rms}}$  voltage of one or more channels is below the dip threshold and ends when the  $U_{\text{rms}}$  voltage on all measured channels is equal to or above the dip threshold plus the hysteresis voltage.

The dip threshold and the hysteresis voltage are both set by the user according to the use.

### 5.4.2.2 Voltage dip evaluation

A voltage dip is characterized by a pair of data: either residual voltage ( $U_{\text{res}}$ ) or depth, and duration:

- the residual voltage is the lowest  $U_{\text{rms}}$  value measured on any channel during the dip;
- the depth is the difference between the reference voltage (either  $U_{\text{din}}$  or  $U_{\text{sr}}$ ) and the residual voltage. It is generally expressed in percentage of the reference voltage.

The start time of a dip shall be time stamped with the time of the end of the  $U_{\text{rms}}$  of the channel that initiated the event and the end time of the dip shall be time stamped with the time of the end of the  $U_{\text{rms}}$  that ended the event, as defined by the threshold plus the hysteresis.

The duration of a voltage dip is the time difference between the start time and the end time of the voltage dip.

NOTE 1 For polyphase measurements, the dip duration may start on one channel and terminate on a different channel.

NOTE 2 Voltage dip envelopes are not necessarily rectangular. As a consequence, for a given voltage dip, the measured duration is dependent on the selected dip threshold value. The shape of the envelope may be assessed using several dip thresholds set within the range of voltage dip and voltage interruption thresholds.

NOTE 3 Typically, the hysteresis is equal to 2 % of  $U_{\text{din}}$ .

NOTE 4 Dip thresholds are typically in the range 85 % to 90 % of the fixed voltage reference for troubleshooting or statistical applications.

NOTE 5 Residual voltage is often useful to end-users, and may be preferred because it is referenced to zero volts. In contrast, depth is often useful to electric suppliers, especially on HV systems or in cases when a sliding reference voltage is used.

NOTE 6 Phase shift may occur during voltage dips. See A.7.5.

NOTE 7 When a threshold is crossed, a time stamp may be recorded.

## 5.4.3 Detection and evaluation of a voltage swell

### 5.4.3.1 Voltage swell detection

The swell threshold is a percentage of either  $U_{\text{din}}$  or the sliding reference voltage  $U_{\text{sr}}$  (see 5.4.4). The user shall declare the reference voltage in use.

NOTE Sliding reference voltage  $U_{\text{sr}}$  is generally not used in LV systems. See IEC 61000-2-8 for further information and advice.

- On single-phase systems, a swell begins when the  $U_{\text{rms}}$  voltage rises above the swell threshold, and ends when the  $U_{\text{rms}}$  voltage is equal to or below the swell threshold minus the hysteresis voltage.
- On polyphase systems, a swell begins when the  $U_{\text{rms}}$  voltage of one or more channels is above the swell threshold and ends when the  $U_{\text{rms}}$  voltage on all measured channels is equal to or below the swell threshold minus the hysteresis voltage.

The swell threshold and the hysteresis voltage are both set by the user according to the use.

#### 5.4.3.2 Voltage swell evaluation

A voltage swell is characterized by a pair of data; maximum swell voltage magnitude and duration.

- The maximum swell magnitude voltage is the largest  $U_{\text{rms}}$  value measured on any channel during the swell.
- The start time of a swell shall be time stamped with the time of the end of the  $U_{\text{rms}}$  of the channel that initiated the event and the end time of the swell shall be time stamped with the time of the end of the  $U_{\text{rms}}$  that ended the event, as defined by the threshold minus the hysteresis.
- The duration of a voltage swell is the time difference between the beginning and the end of the swell.

NOTE 1 For polyphase measurements, the swell duration measurement may start on one channel and terminate on a different channel.

NOTE 2 Voltage swell envelope may not be rectangular. As a consequence, for a given swell, the measured duration is dependent on the swell threshold value.

NOTE 3 Typically, the hysteresis is equal to 2 % of  $U_{\text{din}}$ .

NOTE 4 Typically, the swell threshold is equal to or greater than 110 % of  $U_{\text{din}}$ .

NOTE 5 Phase shift may also occur during voltage swells.

NOTE 6 When a threshold is crossed, a time stamp may be recorded.

#### 5.4.4 Calculation of a sliding reference voltage

The sliding reference voltage implementation is optional, not required. If a sliding reference is chosen for voltage dip or swell detection, this shall be calculated using a first-order filter with a 1 min time constant. This filter is given by:

$$U_{\text{sr}(n)} = 0,996\ 7 \times U_{\text{sr}(n-1)} + 0,003\ 3 \times U_{(10/12)\text{rms}}$$

where

- $U_{\text{sr}(n)}$  is the present value of the sliding reference voltage;
- $U_{\text{sr}(n-1)}$  is the previous value of the sliding reference voltage; and
- $U_{(10/12)\text{rms}}$  is the most recent 10/12-cycle r.m.s. value.

When the measurement is started, the initial value of the sliding reference voltage is set to the declared input voltage. The sliding reference voltage is updated every 10/12-cycles. If a 10/12-cycle value is flagged, the sliding reference voltage is not updated and the previous value is used.

#### 5.4.5 Measurement uncertainty and measuring range

##### 5.4.5.1 Residual voltage and swell voltage magnitude measurement uncertainty

- Class A

The measurement uncertainty shall not exceed  $\pm 0,2$  % of  $U_{din}$ .

– **Class S**

The measurement uncertainty shall not exceed  $\pm 1,0$  % of  $U_{din}$ .

– **Class B**

The manufacturer shall specify the uncertainty which shall not exceed  $\pm 2,0$  % of  $U_{din}$ .

#### 5.4.5.2 Duration measurement uncertainty

– **Class A**

The uncertainty of a dip or swell duration is equal to the dip or swell commencement uncertainty (half a cycle) plus the dip or swell conclusion uncertainty (half a cycle).

– **Class S**

If  $U_{rms(1/2)}$  is used, then the uncertainty of a dip or swell duration is equal to the dip or swell commencement uncertainty (half a cycle) plus the dip or swell conclusion uncertainty (half a cycle). If  $U_{rms(1)}$  is used, then the uncertainty of a dip or swell duration is equal to the dip or swell commencement uncertainty (one cycle) plus the dip or swell conclusion uncertainty (one cycle).

– **Class B**

The manufacturer shall specify the duration measurement uncertainty.

#### 5.4.6 Aggregation

Aggregation is not applicable for triggered events.

### 5.5 Voltage interruptions

#### 5.5.1 Measurement method

The basic measurement of the voltage shall be as defined in 5.4.1 for each class.

#### 5.5.2 Evaluation of a voltage interruption

On single-phase systems, a voltage interruption begins when the  $U_{rms}$  voltage falls below the voltage interruption threshold and ends when the  $U_{rms}$  value is equal to, or greater than, the voltage interruption threshold plus the hysteresis.

On polyphase systems, a voltage interruption begins when the  $U_{rms}$  voltages of all channels fall below the voltage interruption threshold and ends when the  $U_{rms}$  voltage on any one channel is equal to, or greater than, the voltage interruption threshold plus the hysteresis.

The voltage interruption threshold and the hysteresis voltage are both set by the user according to the use. The voltage interruption threshold shall not be set below the uncertainty of residual voltage measurement plus the value of the hysteresis. Typically, the hysteresis is equal to 2 % of  $U_{din}$ .

The start time of a voltage interruption shall be time stamped with the time of the end of the  $U_{rms}$  of the channel that initiated the event and the end time of the voltage interruption shall be time stamped with the time of the end of the  $U_{rms}$  that ended the event, as defined by the threshold plus the hysteresis.

The duration of a voltage interruption is the time difference between the beginning and the end of the voltage interruption.

NOTE 1 The voltage interruption threshold can, for example, be set to 5 % or to 10% of  $U_{din}$ .

NOTE 2 IEC 161-08-20 considers an interruption to have occurred when the voltage magnitude is less than 1 % of the nominal voltage. However, it is difficult to correctly measure voltages below 1 % of the nominal voltage. Therefore, this standard recommends that the user set an appropriate voltage interruption threshold.

NOTE 3 The interruption of one or more phases on a polyphase system can be seen as an interruption of the supply to single-phase customers connected to that system, even though this would not be classified as an interruption in a polyphase measurement.

### 5.5.3 Measurement uncertainty and measuring range

For duration measurement uncertainty, see 5.4.5.2.

### 5.5.4 Aggregation

Aggregation is not applicable for triggered events.

### 5.6 Transient voltages

Clause A.4 provides some information on the significant parameters necessary to characterize transient voltages and currents.

### 5.7 Supply voltage unbalance

#### 5.7.1 Measurement method

Unbalance measurements apply only to 3-phase systems.

#### – Class A

The supply voltage unbalance is evaluated using the method of symmetrical components. In addition to the positive sequence component  $U_1$ , under unbalanced conditions there also exists at least one of the following components: negative sequence component  $U_2$  and/or zero sequence component  $U_0$ .

The fundamental component of the voltage input signal is measured over a 10-cycle time interval for 50 Hz power systems or a 12-cycle time interval for 60 Hz power systems.

NOTE 1 The effect of harmonics is minimized by the use of a filter or by using a DFT algorithm.

NOTE 2 Algorithms that use only the r.m.s. values to calculate unbalance fail to take into account the contributions of angular displacement to unbalance, and cause unpredictable results when harmonic voltages are present. The negative sequence unbalance and zero sequence unbalance provide more precise and more directly useful values.

The negative sequence ratio  $u_2$ , expressed as a percentage, is evaluated by

$$u_2 = \frac{U_2}{U_1} \times 100 = \frac{\text{negative sequence}}{\text{positive sequence}} \times 100 \quad (1)$$

For 3-phase systems considering only phase-to-phase voltages, and only fundamental voltages, this can be written (with  $U_{ij \text{ fund}}$  = phase  $i$  to phase  $j$  fundamental voltage)

$$u_2 = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{3 - 6\beta}}{1 + \sqrt{3 - 6\beta}}} \times 100 \quad \text{with} \quad \beta = \frac{U_{12 \text{ fund}}^4 + U_{23 \text{ fund}}^4 + U_{31 \text{ fund}}^4}{(U_{12 \text{ fund}}^2 + U_{23 \text{ fund}}^2 + U_{31 \text{ fund}}^2)^2} \quad (2)$$

The zero-sequence ratio  $u_0$  expressed as a percentage is evaluated by

$$u_0 = \frac{U_0}{U_1} \times 100 = \frac{\text{zero sequence}}{\text{positive sequence}} \times 100 \quad (3)$$

NOTE 3 The zero sequence unbalance by definition is zero when phase-to-phase voltages are measured. However, the phase-to-neutral or phase-to-earth voltages may still contain the zero sequence component in that case.

– **Class S**

The negative sequence ratio is evaluated in the same way as for Class A. The evaluation of the zero-sequence unbalance ratio is optional, not mandatory.

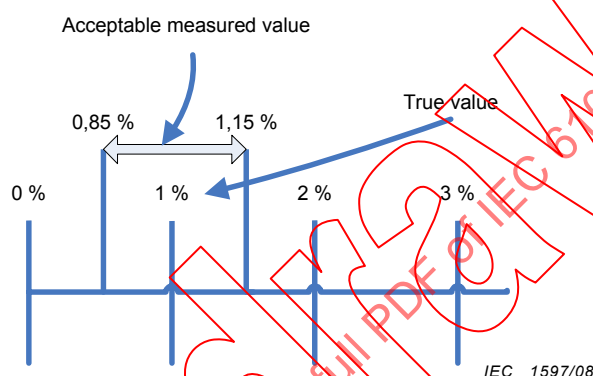
– **Class B**

The manufacturer shall specify the algorithms and methods used to calculate unbalance.

**5.7.2 Measurement uncertainty and measuring range**

– **Class A**

When a 3-phase a.c. voltage that fulfils the requirements of "testing state 1" conditions (see Table 2), except for negative- and zero-sequence unbalance in the measuring range 1 % to 5 % of  $U_1$ , is applied at the input, then the instrument shall present an uncertainty less than  $\pm 0,15$  % for both  $u_2$  and  $u_0$ . For example, an instrument presented with a 1,0 % negative sequence shall provide a reading  $x$  such that  $0,85$  %  $\leq x \leq 1,15$  %. See Figure 5.



**Figure 5 – Example of supply voltage unbalance uncertainty**

– **Class S**

Same as class A, except for the uncertainty, which is less than  $\pm 0,3$ % for  $u_2$  (and for  $u_0$  if it is evaluated)

– **Class B**

Same as class A, except for the uncertainty, which is less than  $\pm 0,3$ % for any unbalance parameter that is evaluated.

**5.7.3 Measurement evaluation**

No requirements.

NOTE The uncertainty of measurement transformers, if present, may have a large impact on the calculation of unbalance.

**5.7.4 Aggregation**

Aggregation shall be performed according to 4.4 and 4.5.

**5.8 Voltage harmonics**

**5.8.1 Measurement method**

– **Class A**

The basic measurement of voltage harmonics, for class A, is defined in IEC 61000-4-7 class I. That standard shall be used to determine a 10/12-cycle gapless harmonic subgroup measurement, denoted  $U_{sg,h}$  in IEC 61000-4-7.

NOTE 1 Other methods, including analogue and frequency domain methods, may be preferred in special cases (see, for example, IEC 61000-3-8).

NOTE 2 Current harmonic measurements are considered in Clause A.6.

Measurements shall be made at least up to the 50th order.

If the total harmonic distortion is calculated, then it shall be calculated as the subgroup total harmonic distortion (*THDS*), defined in IEC 61000-4-7.

– **Class S**

The basic measurement of voltage harmonics, for class S, is defined in IEC 61000-4-7, class II. Gaps are permitted (see 4.5). The manufacturer shall select either a 10/12-cycle harmonic group designated  $U_{g,h}$  in IEC 61000-4-7, or a 10/12-cycle subgroup measurement designated  $U_{sg,h}$  in IEC 61000-4-7. The manufacturer shall specify which has been selected.

Measurements shall be made at least up to the 40th order.

NOTE 3 EN 50160 assessment requires the 40<sup>th</sup> order.

If the total harmonic distortion is calculated, then it shall be calculated either as the total harmonic distortion (*THD*) if  $U_{g,h}$  is selected, or the subgroup total harmonic distortion (*THDS*) if  $U_{sg,h}$  is selected, both defined in IEC 61000-4-7.

– **Class B**

The manufacturer shall specify the measurement method.

### 5.8.2 Measurement uncertainty and measuring range

– **Class A**

The maximum uncertainty shall be the levels specified in IEC 61000-4-7 class I.

The measuring range shall be 10 % to 200 % of class 3 compatibility level in IEC 61000-2-4.

– **Class S**

The maximum uncertainty shall be twice the levels specified in IEC 61000-4-7 class II. The anti-aliasing low-pass filter specified in IEC 61000-4-7, 5.3 shall be optional. The  $\pm 0,03$  % maximum permissible error for time between leading edges requirement as specified in IEC 61000-4-7, 4.4.1 shall be optional, but the maximum uncertainty requirement shall still be met over the range of influence quantities specified in Clause 6 of this standard.

The measuring range shall be 10 % to 100 % of class 3 compatibility level in IEC 61000-2-4.

– **Class B**

The manufacturer shall specify measurement uncertainty and measuring range.

### 5.8.3 Measurement evaluation

No requirements.

### 5.8.4 Aggregation

Aggregation shall be performed according to 4.4 and 4.5.

## 5.9 Voltage interharmonics

### 5.9.1 Measurement method

– **Class A**

The basic measurement of voltage interharmonics, for the purpose of this standard, is defined in IEC 61000-4-7, class I. This standard shall be used to determine a 10/12-cycle gapless centred interharmonic subgroup measurement, denoted  $U_{isg,h}$  in IEC 61000-4-7.

NOTE Current interharmonic measurements are considered in Clause A.6.

Measurements shall be made at least up to the 50th order.

– **Class S**

The manufacturer shall specify the measurement method.

– **Class B**

The manufacturer shall specify the measurement method.

**5.9.2 Measurement uncertainty and measuring range**

– **Class A**

The maximum uncertainty shall be the levels specified in IEC 61000-4-7 class I.

Measuring range shall be 10 % to 200 % of class 3 compatibility level in IEC 61000-2-4.

– **Class S**

The manufacturer shall specify measurement uncertainty and measuring range.

– **Class B**

The manufacturer shall specify measurement uncertainty and measuring range.

**5.9.3 Measurement evaluation**

No requirements.

**5.9.4 Aggregation**

Aggregation shall be performed according to 4.4 and 4.5.

**5.10 Mains signalling voltage on the supply voltage**

Mains signalling voltage, called ripple control signal in certain applications, is a burst of signals, often applied at a non-harmonic frequency, that remotely control industrial equipment, revenue meters, and other devices.

**5.10.1 Measurement method**

– **Class A**

The method described here shall be used for mains signalling frequencies below 3 kHz. For mains signalling, frequencies above 3 kHz, see IEC 61000-3-8.

This method measures the level of the signal voltage for a user-specified carrier frequency.

NOTE The purpose of this method is to measure the maximum level of the signal voltage, and not to diagnose mains signalling difficulties.

Mains signalling voltage measurement shall be based on:

- either the corresponding 10/12-cycle r.m.s. value interharmonic bin;
- or the root of the sum of the squares of the 4 nearest 10/12-cycle r.m.s. value interharmonic bins (for example, a 316,67 Hz ripple control signal in a 50 Hz power system shall be approximated by a root of the sum of the squares of 310 Hz, 315 Hz, 320 Hz and 325 Hz bins, available from the DFT performed on a 10/12 cycle time interval).

The first method is preferred if the user-specified frequency is in the center of an DFT bin. The second method is preferred if the frequency is not in the center of a bin.

The user shall select a detection threshold above 0,3 %  $U_{din}$  as well as the length of the recording period up to 120 s. The beginning of a signalling emission shall be detected when the measured value of the concerned interharmonic exceeds the detection threshold. The measured values are recorded during a period of time specified by the user, in order to give the maximum level of the signal voltage.

– **Class S**

The manufacturer shall specify the measurement technique.

– **Class B**

The manufacturer shall specify the measurement technique.

### 5.10.2 Measurement uncertainty and measuring range

#### – Class A

The measurement range shall be at least 0 % to 15 % of  $U_{din}$ .

For the mains signalling voltage between 3 % and 15 % of  $U_{din}$ , the uncertainty shall not exceed  $\pm 5$  % of the measured value. For the mains signalling voltage between 1 % and 3 % of  $U_{din}$ , the uncertainty shall not exceed  $\pm 0,15$  % of  $U_{din}$ . For the mains signalling voltage less than 1 % of  $U_{din}$ , no uncertainty requirement is given.

#### – Class S

The manufacturer shall specify the uncertainty and the measuring range.

#### – Class B

The manufacturer shall specify the uncertainty and the measuring range.

### 5.10.3 Measurement evaluation

No requirements.

### 5.10.4 Aggregation

Aggregation is not required.

## 5.11 Rapid Voltage Changes (RVC)

NOTE Clause A.5 provides some information on the significant parameters necessary to characterize a rapid voltage change. Further information regarding loads in low voltage networks can be found in IEC 61000-3-3 and IEC 61000-3-11. This further information is not necessarily applicable to the networks themselves.

## 5.12 Measurement of underdeviation and overdeviation parameters

### 5.12.1 Measurement method

#### – Class A

The 10/12-cycle r.m.s. value  $U_{rms-200ms}$  shall be used to assess the underdeviation and overdeviation parameters in per cent of  $U_{din}$ . The underdeviation  $U_{rms-under}$  and overdeviation  $U_{rms-over}$  parameters are determined by equations (4A), (4B), (5A), (5B), (6), and (7).

Underdeviation assessment:

the following rule (4) applies for the calculation of  $U_{rms-under,i}$ :

$$\text{If } U_{rms-200ms,i} > U_{din} \text{ then } U_{rms-under,i} = U_{din} \quad (4A)$$

$$\text{If } U_{rms-200ms,i} \leq U_{din} \text{ then } U_{rms-under,i} = U_{rms-200ms,i} \quad (4B)$$

Overdeviation assessment:

the following rule (5) applies for the calculation of  $U_{rms-over,i}$ :

$$\text{If } U_{rms-200ms,i} < U_{din} \text{ then } U_{rms-over,i} = U_{din} \quad (5A)$$

$$\text{If } U_{rms-200ms,i} \geq U_{din} \text{ then } U_{rms-over,i} = U_{rms-200ms,i} \quad (5B)$$

NOTE On single-phase systems, there is a single underdeviation assessment and overdeviation assessment value for each interval. On 3-phase 3-wire systems, there are 3 values for each interval. Either 6 values or 3 values may be measured on 4-wire systems.

#### – Class S

Not required.

- **Class B**  
Not required.

### 5.12.2 Measurement uncertainty and measuring range

The underlying 10/12-cycles r.m.s. values shall be consistent with the requirements of 5.2.2.

### 5.12.3 Aggregation

- **Class A**  
Underdeviation assessment:

$$U_{\text{under}} = \frac{U_{\text{din}} - \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n U_{\text{rms-under},i}^2}{n}}}{U_{\text{din}}} \quad [\%] \quad (6)$$

where  $n$  = number of 10/12-cycle r.m.s. values for under- or overdeviation during the aggregation interval

and  $U_{\text{rms-under},i}$  is the  $i^{\text{th}}$  10/12-cycle r.m.s. value.

Overdeviation assessment:

$$U_{\text{over}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n U_{\text{rms-over},i}^2}{n}} - U_{\text{din}} \quad [\%] \quad (7)$$

where

$U_{\text{rms-over},i}$  is the  $i^{\text{th}}$  10/12-cycle r.m.s. value.

NOTE Both underdeviation and overdeviation parameter equations (4) and (5) give positive values.

Aggregation shall be performed according to 4.4 and 4.5.

- **Class S**  
Not required.
- **Class B**  
Not required.

## 6 Range of influence quantities and steady-state verification

### 6.1 Range of influence quantities

The measurement of a specific characteristic can be adversely affected by the application of a disturbing influence (influence quantity) on the electrical input signal. For example, the measurement of supply voltage unbalance might be adversely affected if the voltage waveform is at the same time subject to a harmonic disturbance.

The result of a parameter measurement shall be within the specified measurement uncertainty given in Clause 5 when all other parameters are within their influence quantity range, given in the Table 1.

Table 1 – Influence quantity range

Section and parameter	Class	Influence quantity range
5.1 Frequency	A	42,5 Hz ~ 57,5 Hz, 51 Hz ~ 69 Hz
	S	42,5 Hz ~ 57,5 Hz, 51 Hz ~ 69 Hz
	B	42,5 Hz ~ 57,5 Hz, 51 Hz ~ 69 Hz
5.2 Magnitude of the supply	A	10 % ~ 200 % $U_{din}$
	S	10 % ~ 150 % $U_{din}$
	B	10 % ~ 150 % $U_{din}$
5.3 Flicker	A	0 ~ 20 $P_{st}$
	S	0 ~ 10 $P_{st}$
	B	N/A
5.4 Dips and swells	A	N/A
	S	N/A
	B	N/A
5.5 Interruptions	A	N/A
	S	N/A
	B	N/A
5.7 Unbalance	A	0 % ~ 5 % $u_2$ , 0 % ~ 5 % $u_0$
	S	0 % ~ 5 % $u_2$
	B	SBM
5.8 Voltage harmonics	A	200 % of class 3 of IEC 61000-2-4
	S	200 % of class 3 of IEC 61000-2-4
	B	200 % of class 3 of IEC 61000-2-4
5.9 Voltage Interharmonics	A	200 % of class 3 of IEC 61000-2-4
	S	200 % of class 3 of IEC 61000-2-4
	B	200 % of class 3 of IEC 61000-2-4
5.10 Mains signalling voltage	A	0 % ~ 15 % $U_{din}$
	S	0 % ~ 15 % $U_{din}$
	B	0 % ~ 15 % $U_{din}$
5.12 Under/overdeviation	A	N/A
	S	N/A
	B	N/A
Transient voltages IEC 61180	A	6 kV peak
	S	N/R
	B	N/R
Fast transients IEC 61000-4-4	A	4 kV peak
	S	N/R
	B	N/R
SBM = Specified by manufacturer N/R = no requirement N/A = not applicable		
NOTE For safety requirements, EMC requirements or climatic requirements, see product standards, for instance IEC 61557-12.		

The instrument shall tolerate signals in the influence quantity range without shifting the measurement of other parameters out of their uncertainty requirement, and without instrument damage. The instrument may indicate overrange for signals greater than the measuring range, up to the influence quantity range (not including transients and fast transients).

For transient voltages and fast transients, there shall be no effect on any measurement after the transient. The transients are applied to the measuring terminals, not to the instrument power terminals.

## 6.2 Steady-state performance verification

The tests below confirm that steady-state signals are measured within their specified uncertainties, with influence quantities applied.

These tests are necessary but not sufficient to verify that an implementation meets the requirements of this standard. To fully verify that the measuring methods of Clause 5 have been implemented correctly, additional tests and/or validation may be necessary.

NOTE 1 See Annex C for guidance.

### – Class A

To confirm that the steady-state performance of an instrument is correct, the tests below are applied.

NOTE 2 These tests are required as type tests, not as routine tests.

The uncertainty of an instrument shall be tested for each measured quantity as follows (see Table 2):

- select a measured quantity (for example, r.m.s. voltage magnitude);
- holding all other quantities in testing state 1, verify the uncertainty of the measured quantity to be tested at 5 approximately equally spaced points throughout the measurement range including the upper and lower limit (for example, 10 % of  $U_{din}$ , 45 % of  $U_{din}$ , 80 % of  $U_{din}$ , 115 % of  $U_{din}$ , 150 % of  $U_{din}$  for class A);
- holding all other quantities in testing state 2, repeat the test;
- holding all other quantities in testing state 3, repeat the test.

Other testing states may be used in addition to the testing states specified in Table 2. In this case, the values chosen for each influence quantity shall be within the range of variations for that influence quantity.

NOTE 3 In interpreting this subclause, it is intended that 15 series of testing states will be selected for each measured parameter. For parameters that have multiple sub-parameters (for example, voltage harmonics have fifty individual harmonics), select one representative sub-parameter.

NOTE 4 Some influence quantities should not influence the value of the measured parameter (for example, harmonics should not influence the value of unbalance). Other influence quantities should influence the value of the measured parameter (for example, harmonics should influence the value of r.m.s.). The uncertainty requirements should be met in both cases.

**Table 2 – Uncertainty steady-state verification for class A and class S**

Influence quantities	Testing state 1	Testing state 2	Testing state 3
Frequency	$f_{nom} \pm 0,5 \text{ Hz}$	$f_{nom} - 1 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz}$	$f_{nom} + 1 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz}$
Voltage magnitude	$U_{din} \pm 1 \%$	Determined by flicker, unbalance, harmonics, interharmonics (below)	Determined by flicker, unbalance, harmonics, interharmonics (below)
Flicker	$P_{st} < 0,1$	$P_{st} = 1 \pm 0,1$ – rectangular modulation at 39 changes per minute	$P_{st} = 4 \pm 0,1$ – rectangular modulation at 110 changes per minute
Unbalance	100% $\pm 0,5 \%$ of $U_{din}$ on all channels. All phase angles 120° (equivalent to $u_0 = 0 \%$ , $u_2 = 0 \%$ )	73 % $\pm 0,5 \%$ of $U_{din}$ Channel 1 80 % $\pm 0,5 \%$ of $U_{din}$ Channel 2 87 % $\pm 0,5 \%$ of $U_{din}$ Channel 3 all phase angles 120° (equivalent to $u_0 = 5,05 \%$ , $u_2 = 5,05 \%$ )	152 % $\pm 0,5 \%$ of $U_{din}$ Channel 1 140 % $\pm 0,5 \%$ of $U_{din}$ Channel 2 128 % $\pm 0,5 \%$ of $U_{din}$ Channel 3 all phase angles 120° (equivalent to $u_0 = 4,95 \%$ , $u_2 = 4,95 \%$ )
Harmonics	0 % to 3 % of $U_{din}$	10 % $\pm 3 \%$ of $U_{din}$ 3 <sup>rd</sup> at 0° 5 % $\pm 3 \%$ of $U_{din}$ 5 <sup>th</sup> at 0° 5 % $\pm 3 \%$ of $U_{din}$ 29 <sup>th</sup> at 0°	10 % $\pm 3 \%$ of $U_{din}$ 7 <sup>th</sup> at 180° 5 % $\pm 3 \%$ of $U_{din}$ 13 <sup>th</sup> at 0° 5 % $\pm 3 \%$ of $U_{din}$ 25 <sup>th</sup> at 0°
Interharmonics	0 % to 0,5 % of $U_{din}$	1 % $\pm 0,5 \%$ of $U_{din}$ at $7,5 f_{nom}$	1 % $\pm 0,5 \%$ of $U_{din}$ at $3,5 f_{nom}$

When verifying magnitude of supply voltage performance, replace  $U_{din}$  in Table 2 with the magnitude of supply voltage value that has been selected for the test.

– **Class S**

Same as class A.

– **Class B**

No steady-state uncertainty testing requirements are specified.

## **Annex A** (informative)

### **Power quality measurements – Issues and guidelines**

#### **A.1 General**

This annex is provided as an informative complement to the normative part of this standard.

The following two clauses address general concerns and procedures for implementation of power quality measurements regardless of the purpose of the measurements.

- A.2 – Installation precautions
- A.3 – Transducers

The following clauses are pre-normative measurement methods:

- A.4 – Transient voltages and currents
- A.5 – Rapid voltage changes
- A.6 – Current
- A.7 – Voltage dip characteristics

#### **A.2 Installation precautions**

##### **A.2.1 Installation**

During installation of power quality (PQ) measurement instruments, the safety of the installer and others, the integrity of the system being monitored and the integrity of the instrument itself shall be ensured.

While many installations are temporary in nature and consequently may not utilize the same practices as for permanent installations, local codes shall never be compromised. Local codes, regulations and safety practices will cover most of the items below and will always take precedence over the precautions listed here. All local and national safety requirements shall be followed (for example, personal protective equipment requirements).

##### **A.2.2 Test leads**

###### **A.2.2.1 Test lead connections**

For safety, IEC 61010, which gives the safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use, applies.

Test lead connections made in load centre panel boards or junction boxes will be attached in a manner that does not violate the listed use of the devices to which they are attached. This generally includes returning doors, cover plates and access panels to their in-use position (i.e., closed, mounted with a full set of screws, etc.). If panels remain open during monitoring, adequate means will be provided to limit access to the area and inform others about the monitoring set-up and the responsible on-site contact.

It is for most cases recommended that the PQ measurement instrument be attached to a point in the system specifically designed for measurements or metering.

Test leads will be routed away from exposed conductors, sharp objects, low- and high-frequency electromagnetic fields, and other adverse environments. If possible, they will be strapped or tied to a solid object to prevent inadvertent disconnection.

#### **A.2.2.2 Voltage test leads**

Leads that are fused at the probe end, i.e. the end connected to the system being monitored, increase the safety of the connection. The instrument manufacturer shall specify the fuse size; this will be low enough to protect the test lead against overload conditions. Furthermore, the interrupting capacity of the fuse will be consistent with the available power-frequency fault current at the point of connection.

Voltage sense leads shall not be casually twisted around existing wires or inserted in circuit-breaker connectors that are designed to receive a single conductor. Instead, a properly rated and installed mechanical connection should be used. Where clips are used for temporary installations, they shall comply with IEC 61010. It is essential to ensure both that the clip is rated for the maximum voltage that may be present and that it is installed in a mechanically secure manner. During installation, the installer will consider what will happen if the clip is inadvertently dislodged, for example, by an abrupt tug on the cable.

Some test leads have insulated plugs capable of being stacked one on top of the other. Caution should be exercised so that when stacking, only intentional connections are made rather than creating an inadvertent short circuit. Always double-check the leads to ensure that short circuits have not been introduced. Also, connect the sense leads to the monitored circuit only after the leads have been connected to the PQ instrument and checked for correctness.

#### **A.2.2.3 Current test leads**

Care should be taken that the secondaries of current transformers, if used, do not become open circuit, i.e. there shall be no fuse in the secondaries of such circuits, and the connection to the burden shall be mechanically secure.

Clamp-on current transducers and associated leads, used for temporary installations, shall be designed according to IEC 61010-2-032.

#### **A.2.3 Guarding of live parts**

Often panel covers are removed for installation, or during the monitoring period. If so, all live parts will be adequately protected and the area will be kept inaccessible. If screw terminals are used in the measurement instrument, appropriate covers will be used to insulate the terminations. All attachments to terminations will be made in accordance with the specifications and intent of the terminations. For example, multiple wires shall not be connected to a screw terminal designed for a single wire.

#### **A.2.4 Monitor placement**

The PQ measurement instrument needs to be placed securely to minimize the risk of the instrument moving or loosening connections. If a paper printer is used for reporting disturbances, adequate precautions should be taken to ensure that accumulating paper does not present a hazard. Measurement instruments will not be left where excessive heat, moisture or dust may damage the instrument, or jeopardize the data collection process.

The measurement instrument will be placed so that it does not pose a hazard to those working in the area. A protective enclosure or barrier can sometimes be used to alleviate this concern. If possible, the measurement instrument will not be placed in a location where it will be exposed to many people, for example, in a heavily travelled hallway.

In addition, the location should not pose an undue hazard to the person installing the PQ measurement instrument. There are many locations that are too cramped, or in other ways

physically constrained, to allow suitable connection of instrument leads. In these situations, an alternative location will be selected.

A number of external environmental factors can affect the performance of a PQ measurement instrument. These environmental factors include temperature, humidity, low- and high-frequency electromagnetic fields, static discharge, mechanical shock and vibration.

### **A.2.5 Earthing**

All instruments are capable of developing internal faults. The instruments power supply will be properly connected to a protective earth if declared necessary by the manufacturer. Many safety regulations also require an earth connection associated with the voltage test leads. Instruments with two or more earth connections (for example, one earth connection for the power supply, and another for the test leads) can create ground loops if the earth connections are made to different physical points outside the instrument. The risk from ground loops on the measurements and on the system being measured will need to be carefully considered.

There is also a need to consider the potential hazard to personnel and the instrument due to high potentials between different points in the grounding system. The use of isolating transformers for the power supply of the instrument is in most cases useful.

In all cases, safety considerations will take the highest priority.

### **A.2.6 Interference**

If the PQ measurement instrument is connected to a mobile phone or other radio transmitter, one should take care that the transmitter antenna is sufficiently far away from devices that could be sensitive to interference. Such sensitive devices can include protection devices, medical monitors, scientific instruments, etc.

## **A.3 Transducers**

### **A.3.1 General**

Power quality measurement instruments, especially those in portable packages, are generally provided with inputs designed for low-voltage applications. Some permanently installed PQ measurement instruments are mounted at a distance from the point of the circuit where the parameters are to be measured. In both cases, a suitable transducer might be needed, to step down the voltage, to isolate the input circuits from the system voltage, or to transmit the signals over some distance. To accomplish any of these functions, a transducer may be used, provided that its characteristics are suitable for the parameter of interest.

In low-voltage systems, PQ measurement instruments are generally connected direct to the voltage point of interest, but transducers are often used for current measurements.

In medium- and high-voltage systems, transducers are used for both voltage and current PQ measurements.

There are two important concerns using transducers:

- signal levels: signals levels should use the full scale of the instrument without distorting or clipping the desired signal;
- frequency and phase response: these characteristics are particularly important for transient and harmonic measurements.

In order to avoid incorrect measurements, the full-scale rating, linearity, frequency and phase response, and burden characteristics of the transducer should be carefully considered.

NOTE Current transducers designed for protection purposes may be less accurate than metering transducers.

## A.3.2 Signal levels

### A.3.2.1 Voltage transducers

The most common voltage transducer is the voltage transformer. Two types of voltage transformers can be considered: those used by protective relay circuits, and those used by metering circuits. The first type is sized so as to provide a correct response even in the case of overvoltages due to an unbalanced short circuit. The second, in contrast, is designed to protect meters from network overvoltages. In the latter category, in case of saturation, distortion of the delivered signal will occur.

Where monitoring is attached to a voltage transformer which is also used for other functions (for example, metering), one shall be careful that the additional burden do not affect the calibration or uncertainty of such other functions.

One should be careful when making connections to the secondary circuit of a transformer used for a protective relay. Connection errors might cause the relay to inadvertently trip.

NOTE For further details of the uncertainty of voltage transformers, see IEC 60044-2.

### A.3.2.2 Current transducers

In the operation on the power system network, the value of the current can range from 0 to the short-circuit level of the network being monitored. The short-circuit current value can be well above the nominal current level. A value of 20 times nominal is not unusual.

The most common type of current transducer is the current transformer.

Some current transformers are equipped with two or more cores and/or two secondary windings: one for large current flows (20 to 30 times nominal current), typically for protection relays, and a second for nominal current flows. The correct secondary should be selected for the intended measurement. With direct connections, it is possible to damage the measuring instrument during faults if the wrong secondary has been selected. This damage can inadvertently provide an open circuit on the transformer secondary. Open circuits on the secondary winding of current transformers can give rise to dangerously high (and destructive) voltages.

Other considerations may affect the uncertainty of clamp-on current transducers, such as the centring and angle of the conductor as it passes through the window of the transducer.

NOTE For further details of the uncertainty of current transformers, see IEC 60044-1.

Measurements of transients can be performed with shunts or current transformers designed for high-frequency response.

Coaxial shunts are routinely used in laboratory environments but have the disadvantage of requiring insertion into the current-carrying conductors, and the fact that the output signal of the shunt is not isolated from the power circuit. On the other hand, they are not susceptible to the saturation and residual magnetization that can affect measurements made with current transformers.

Current transformers operating with a suitable resistive burden deliver a voltage signal proportional to the primary current. In general, the primary consists of one or a few turns of the primary circuit fed through an opening in the core. The major advantage of these current transducers is to provide isolation from the power circuits, and a wide range of ampere-to-volt ratios. Another advantage is that some (but not all) current transformers do not require the disconnection of the power conductor from its load during installation.

Other types of current transducers are sometimes used, including optical polarization detectors and Hall-effect transducers.

### **A.3.3 Frequency response of transducers**

#### **A.3.3.1 Frequency and phase response of voltage transducers**

In general, transformer-type electromagnetic voltage transducers have frequency and transient responses suitable up to typically 1 kHz; but the frequency range may sometimes be limited to well below 1 kHz, and sometimes may extend to a few kilohertz.

Simple capacitor dividers can have frequency and phase responses that are suitable up to hundreds of kilohertz or even higher; however, in many applications, a resonant circuit is intentionally added, making the frequency response of the capacitive divider unsuitable for measurements at any frequency other than the fundamental.

Resistive voltage dividers may have frequency and phase response suitable up to hundreds of kilohertz. However, they may introduce other problems, for example, the capacitive load of the measurement instrument can influence the frequency and phase response of the resistive voltage dividers.

#### **A.3.3.2 Frequency and phase response of current transducers**

As current transformers are wound electromagnetic devices, the frequency response varies according to the uncertainty class, type (manufacturer), turns ratio, core material and cross-section, and the secondary circuit load.

Usually, the cut-off frequency of a current transducer ranges from 1 kHz to a few kilohertz, and the phase response degrades as the cut-off frequency is approached.

NOTE New concepts of current transducers with higher cut-off frequency and better linearity are being developed (optical and Hall-effect transducers). Insulation coordination, noise issues, full-scale capability, and safety conditions should be carefully considered.

### **A.3.4 Transducers for measuring transients**

There are two important concerns that shall be addressed when selecting transducers for a.c. mains transients. Firstly, signal levels should use the full scale of the instrument without distorting or clipping the desired signal. Secondly, the frequency response (both amplitude and phase) of the transducer should be adequate for the expected signal.

#### **– Voltage Transducers (VTs)**

- VTs should be sized to prevent measured disturbances from inducing saturation. For low-frequency transients, this requires that the knee point of the transducer saturation curve be at least 200 % of the nominal system voltage.
- The frequency response of a standard metering class VT depends on its type and the burden applied. With a high impedance burden, the response is usually adequate to at least 2 kHz, but it can be less.
- Capacitively coupled voltage transformers generally do not provide accurate representation of any higher frequency components.
- High-frequency transient measurements require a capacitor divider or pure resistive divider. Special purpose capacitor dividers can be obtained for measurements requiring accurate characterization of transients up to at least 1 MHz.

#### **– Current Transducers (CTs)**

- Selecting the proper transducer for currents is more difficult. The current in a distribution feeder changes more often and with greater magnitude than the voltage.
- Standard metering-class CTs are generally adequate for frequencies up to 2 kHz (phase error can start to become significant before this limit). For higher frequencies, window

type CTs with a high turns ratio (doughnut, split core, bar type, and clamp-on) should be used.

- Additional desirable attributes for CTs are: a large turns ratio, for example, 2000:5; less than 5 turns in the primary; small remnant flux, for example, 10 % of core saturation; large core area; minimal secondary winding resistance and leakage impedance. When using a CT to measure transients, there are 2 key parameters that need to be considered, current-time product ( $I \cdot t$  max) and rise time/droop. Typical values of the rise time (10 % to 90 %) are in the range of 2 ns to 200 ns. Typical droop values range from 0,1 %/ $\mu$ s to 0,5 %/ms.

NOTE In HV systems, high-frequency and transient voltage measurements may be performed using capacitive taps often available on CTs and transformer bushings.

## A.4 Transient voltages and currents

### A.4.1 General

This clause is primarily focused on transients occurring in LV systems and does not cover transients from GIS<sup>1</sup> installations or HV systems.

Transients can occur on all a.c. power systems. Traditionally, they have been characterized as "transient voltages"; however, in many cases, the transient current may be more important. The detection, classification, and characterization of transient voltages are challenging subjects.

### A.4.2 Terms and definitions

#### A.4.2.1 transient

pertaining to or designating a phenomenon or a quantity which varies between 2 consecutive steady states during a time interval short when compared with the timescale of interest

[IEV 161-02-01]

#### A.4.2.2 surge

transient voltage wave propagating along a line or a circuit and characterized by a rapid increase followed by a slower decrease of the voltage

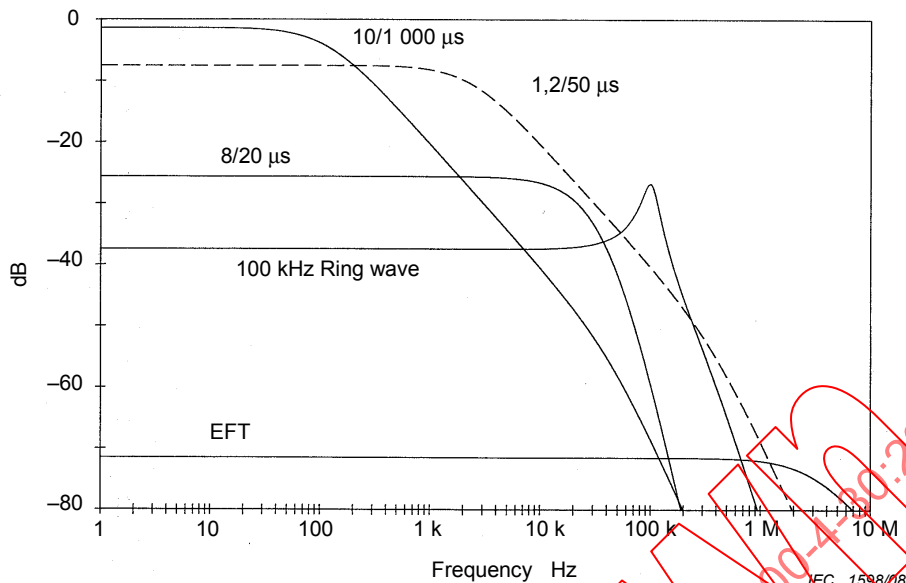
[IEV 161-08-11]

### A.4.3 Frequency and amplitude characteristics of a.c. mains transients

Transients in a.c. power circuits occur over a wide range of waveforms, amplitudes, and duration. It is difficult to describe these by a simple set of parameters, but obtaining their signatures allows them to be classified into a few typical waveforms that are used for test purposes. Figure A.1 shows the frequency spectrum of several representative test waveforms in general use. This information is useful in developing algorithms that will be necessary for appropriate reduction of the analogue signals into the digital recordings and data processing of these events.

---

<sup>1</sup> Gas-insulated switchgear.



**Figure A.1 – Frequency spectrum of typical representative transient test waveforms**

For both voltage and current, the spectra of common test waveforms for a.c. mains transients contain frequencies that range up to approximately 10 MHz (lasting for 200 μs), with large amplitudes up to 1 MHz (lasting for 2 ms). For end-use a.c. mains connections, the amplitudes of common test waveforms range up to 6 kV, and up to 5 kA.

The sampling rate shall therefore be at least twice the maximum frequency of the waveform; in addition, the corresponding anti-alias filter shall have appropriate characteristics. See also A.2.4 for further information related to transient measurement.

#### A.4.4 Transient voltage detection

The results of a transient measurement depend both on the actual nature of the transient, and on the parameters selected by the user and reported by the instrument. When insulation is the main concern, transient measurements are generally made from phase to earth. When instrument damage is the primary concern, transient measurements are generally made from phase to phase or from phase to neutral.

Some of the detection methods and examples of application include:

- comparative method: when a fixed, absolute threshold is exceeded, a transient is detected, for example, Surge Protective Devices (SPDs) that are sensitive to the total voltage;
- envelope method: similar to comparative method, but with the fundamental removed prior to analysis, for example, for instances of capacitive coupled transients;
- sliding-window method: the instantaneous values are compared to the corresponding values on the previous cycle, for example, low-frequency switching transients associated with capacitive banks used for power factor correction;
- dv/dt method: when a fixed, absolute threshold of dv/dt is exceeded, for example, mistrigger of power electronics circuits or non-linear distribution on inductor winding;
- r.m.s. value: using very rapid sampling, the r.m.s. value is computed for intervals much less than one fundamental period, and compared to a threshold, for example, when further computations are desirable such as energy deposition in an SPD or charge transfer;
- other methods include frequency versus amplitude measurements (Discrete or Fast Fourier transform, wavelet, etc.).

#### A.4.5 Transient voltage evaluation

Once the transient has been detected using the methods above, it can be classified. Some classification methods and parameters include

- the peak voltage and/or current. Note that the peak value is also influenced by the measurement interval;
- the overshoot voltage;
- the rate of rise ( $dv/dt$  or  $di/dt$ ), of the leading edge;
- frequency parameters;
- the duration. This is a difficult parameter to define, due to damping, irregularity of waveforms, etc.;
- damping coefficient;
- frequency of occurrence;
- energy and power, available or conveyed;
- continuous (every cycle, such as notches) or single-shot (unpredictable) transients.

All of these numerical parameters are helpful in developing a classification system to describe the transient environment in statistical terms.

On the other hand, especially when troubleshooting, a signature can describe in one graphic representation several of these hard-to-quantify parameters.

#### A.4.6 Effect of surge protective devices on transient measurements

Surge protective devices (SPDs) are shunt-connected components that conduct when a threshold voltage is exceeded. They are commonly used to limit transient voltages. They may be found in plug-in mains filtering devices, and are often included as part of a sensitive electronic device, such as a personal computer.

Because all SPDs on a mains circuit are effectively connected in parallel, the one with the lowest limiting voltage will (within its performance capabilities) limit all transient voltages to its limiting voltage and divert the largest portion of the transient current impinging on the facility. Consequently, measuring transient voltages in many environments – offices, labs, factories, etc. – is of limited use: one is simply measuring the threshold voltage of one of the many SPDs that are present.

For this reason, the transient current is often a better measure of the severity of a.c. system transients than the transient voltage.

#### A.5 Rapid Voltage Changes (RVC)

A rapid voltage change is a quick transition in r.m.s. voltage between two steady-state conditions.

To measure rapid voltage changes, thresholds may be defined for each of the following: the minimum rate of change, the minimum duration of the steady-state conditions, the minimum difference in voltage between the two steady state conditions, the maximum voltage change during the transition period (voltage change characteristic) and the steadiness of the steady-state conditions.

The voltage during a rapid voltage change shall not exceed the voltage dip and/or the voltage swell threshold, as it would otherwise be considered as a voltage dip or swell.

The characteristic parameter of the rapid voltage change is the difference between the steady-state value reached after the change and the initial steady-state value.

## A.6 Current

### A.6.1 General

In a power quality context, current measurements are useful as a supplement to voltage measurements, especially when trying to determine the causes of events such as voltage magnitude change, dip, interruption, or unbalance.

The current waveform can further help associate the recorded event with a particular device and an action, such as a motor being started, a transformer being energized or a capacitor being switched.

Linked with voltage harmonics and interharmonics, the current harmonics and interharmonics can be useful to characterize the load connected to the network.

Note that this annex does not consider the measurement transducers.

### A.6.2 Term and definitions

#### $I_{\text{half cycle rms}}$

value of the r.m.s. current measured over each half-period

### A.6.3 Magnitude of current

#### A.6.3.1 Measurement

The manufacturer or the user should specify a full-scale r.m.s. current, including a maximum crest-factor value.

NOTE Harmonics, interharmonics and ripple control signals are included in the evaluation.

#### – Class A

The measurement should be the r.m.s. value (defined in 3.23) of the current magnitude over a 10-cycle time interval for a 50 Hz power system or 12-cycle time interval for a 60 Hz power system. Each 10/12-cycle interval should be contiguous and non-overlapping.

#### – Class S

The manufacturer should specify the measurement time interval used.

#### – Class B

Same as class S.

#### A.6.3.2 Measurement uncertainty

#### – Class A

Over the specified influence quantity conditions described in 6.1, the measurement uncertainty  $\Delta I$  should not exceed  $\pm 0,1$  % of full scale.

#### – Class S

The manufacturer should specify the uncertainty  $\Delta I$  over the specified influence quantity conditions described in 6.1. In all cases, the measurement uncertainty should not exceed  $\pm 1,0$  % of full scale.

#### – Class B

The manufacturer should specify the uncertainty  $\Delta I$  over the specified influence quantity conditions described in 6.1. In all cases, the measurement uncertainty should not exceed  $\pm 2,0$  % of full scale.

### A.6.3.3 Measurement evaluation

For single-phase systems, there is a single r.m.s. current value. For 3-phase 3-wire systems, there are typically 3 r.m.s. current values; for 3-phase 4-wire systems, there are typically 4 current values. It is optional to measure the current in the earth conductor as well.

#### – Class A

Aggregation intervals as described in 4.4 and 4.5 should be used, but additional aggregation techniques might be used for smoothing, for example with a digital filter as specified in IEC 61000-4-7.

If any of the 10/12-cycle r.m.s. values are greater than the full-scale current specified, the 10/12-cycle r.m.s. current value for that interval should be "flagged".

#### – Class S

The manufacturer and/or the user should specify the measurement intervals.

#### – Class B

Same as class S.

## A.6.4 Inrush current

### A.6.4.1 Measurement

#### – Class A

The inrush current begins when the  $I_{\text{half cycle rms}}$  current rises above the inrush threshold, and ends when the  $I_{\text{half cycle rms}}$  current is equal to or below the inrush threshold minus a user-selected hysteresis value.

The measurement should be the  $I_{\text{half cycle rms}}$  values. Each half-cycle interval should be contiguous and non-overlapping.

NOTE 1 The inrush threshold is set by the user. Typically, the inrush threshold is greater than 120 % of the nominal current.

NOTE 2 For a full understanding of the inrush phenomena it is recommended that the user obtain a signature of all currents and voltages relating to the inrush current (see B.7.2).

#### – Class S

The measurement should be the r.m.s. value of the current over a short time interval specified by the manufacturer.

#### – Class B

Same as class S.

### A.6.4.2 Measurement evaluation

#### – Class A

The inrush current can be further characterized by:

- the time duration between the beginning and the end of the inrush current;
- the maximum value of inrush current measured  $I_{\text{half cycle rms}}$  value;
- the square root of the mean of the squared  $I_{\text{half cycle rms}}$  values measured during the inrush duration.

#### – Class S

No requirement.

#### – Class B

Same as class S.

### A.6.4.3 Measurement uncertainty

#### – Class A

Over the range of influence quantities described in 6.1. the measurement uncertainty should not exceed  $\pm 0,5$  % of reading. The uncertainty of the duration measured is 1 half-cycle.

– **Class S**

The manufacturer should specify:

- the uncertainty over the specified influence quantities conditions described in 6.1,
- the range of current.

– **Class B**

Same as class S.

In all cases, the measurement uncertainty should not exceed  $\pm 5,0$  % of reading.

### A.6.5 Harmonic currents

– **Class A**

The basic measurement of current harmonics, for the purpose of this standard, is defined in IEC 61000-4-7. Use that standard to determine a 10/12-cycle gapless harmonic sub-group measurement, denoted  $I_{sg,h}$ .

Aggregation intervals as described in 4.4 and 4.5 should be used.

A 10/12-cycle current harmonic measurement is marked "flagged" if either a voltage dip or voltage swell (see 5.4) or a voltage interruption (see 5.5) occurs during this time interval.

– **Class S**

The manufacturer should specify measurement and aggregation methods.

– **Class B**

Same as class S.

### A.6.6 Interharmonic currents

– **Class A**

The basic measurement of current interharmonics, for the purpose of this standard, is defined in 61000-4-7. Use that standard to determine a 10/12-cycle gapless centred interharmonic sub-group measurements, denoted  $I_{isg,h}$ .

Aggregation intervals as described in Clause 4.4 and Clause 4.5 should be used.

A 10/12-cycle interharmonic current measurement is marked "flagged" if either a voltage dip or a voltage swell (see Clause 5.4), or a voltage interruption (see Clause 5.5) occurs during this time interval.

– **Class S**

The manufacturer should specify measurement and aggregation methods.

– **For Class B**

Same as class S.

## A.7 Voltage dip characteristics

### A.7.1 General

Voltage dips are generally acknowledged to be a common power quality event.

The normative part of this standard characterizes voltage dips by two characteristics, depth (or residual voltage) and duration. It derives these characteristics from one-cycle r.m.s. values that are updated each half-cycle.

However, voltage dips are rarely rectangular, i.e. the  $U_{\text{rms}}$  value often varies during the dip, and limiting the characteristics to depth and duration can obscure useful information. As an example, in the case of voltage dips due to motor-starting or due to transformer energizing where there is a smooth transition between the dip and normal operation.

Ultimately, the greatest amount of information is available in waveforms recorded during the voltage dip. But characteristics are a useful way of reducing data, interpreting and categorizing events.

Multiple dips may occur, for example, during a failed attempt to auto-reclose and re-energize a faulty line section. Events that occur at approximately the same time may be counted as a single event.

Depending on the purpose of the measurement, other characteristics in addition to depth and duration should be considered.

#### **A.7.2 Rapidly updated r.m.s values**

During a voltage dip, it may be useful to calculate 1-cycle r.m.s values that are updated more frequently than every half-cycle (as specified in the normative part of standard). For example, it may be useful to update the 1-cycle r.m.s. value 128 times each cycle. This approach allows more precise identification of the beginning and end of the voltage dip, using simple thresholds. The drawbacks are increased data and processing and introducing a possibly misleading sliding filter.

RMS voltage values correctly reflect the available power into a resistive load. However, electronic loads are not directly sensitive to r.m.s. voltage, instead, they are generally sensitive to voltage near the peak of the waveform, and are insensitive to other parts of the waveform. Algorithms other than r.m.s. may be useful to evaluate the effects of a voltage dip on electronic loads.

#### **A.7.3 Phase angle/point-on-wave**

For some applications, for example, electro-mechanical contactor drop-outs, the phase angle at which a voltage dip begins is an important characteristic, which is sometimes called point-on-wave.

This phase angle can be determined by capturing the pre-dip and during-dip waveforms, then examining them for the point at which the waveform deviates from the ideal by, for example, 10 %, then backing up along the waveform with a narrower threshold, for example, 5 %, to the beginning of the dip. This algorithm is highly sensitive for finding the exact beginning of a voltage dip, without triggering on minor non-dip variations.

A similar algorithm may be used to find the end of the dip. In addition to phase-angle information, this approach also permits the dip duration to be calculated precisely, with a resolution much finer than 1-cycle.

Also, advanced signal-processing techniques are capable of detecting the exact beginning of a voltage dip.

#### **A.7.4 Voltage dip unbalance**

Even very brief unbalance can damage 3-phase rectified loads, or cause over-current devices to trip. Three-phase dips are often unbalanced. With the rapidly updated r.m.s values described in A.7.2, it is often useful to calculate 3-phase unbalance during a dip. The unbalance often varies during a dip, so the unbalance might be presented in a graphic form, or the maximum unbalance during a dip might be presented.

It may be useful to analyse separately the zero sequence, negative sequence, and positive sequence of the fundamental frequency during an unbalanced dip. This approach yields information about how the dip propagates through the network and can be useful in understanding simultaneous dips and swells on different phases.

#### **A.7.5 Phase shift during voltage dip**

In some applications, for example, 3-phase rectifiers, the phase shift of the voltage dip can be important. Such a phase shift may be measured by, for example, a DFT applied to the cycle prior to commencement of the dip, and another cycle after the commencement of the dip. If this approach is taken throughout the dip, a maximum phase shift during the dip may be calculated. The phase shift at the conclusion of the dip may also be useful. In some applications, for example, phase-locked-loop stability, it may be useful to calculate the maximum slew rate ( $d\theta/dt$ ) of the phase angle during the dip.

The calculation of phase shift during a voltage dip may be combined with voltage dip unbalance by calculating the magnitude and phase angle of zero-sequence, negative-sequence and positive-sequence components during an unbalanced dip.

#### **A.7.6 Missing voltage**

This characteristic of a voltage dip may be calculated by subtracting the dip waveform from an ideal waveform, with amplitude, phase, and frequency based on the pre-dip data. This characteristic can be useful for analysing the effect of the dip on voltage restoration devices, for example.

#### **A.7.7 Distortion during voltage dip**

The voltage during a dip is often distorted, and the distortion may be important for understanding the effect of the dip on electronic devices. Traditional methods such as THD may be considered for describing this distortion, but THD compares the distortion to the fundamental which, by definition, is rapidly varying during a dip. For this reason, it may be more useful to evaluate distortion during a dip simply as the r.m.s. value of the non-fundamental components.

The presence of even harmonics during or after the dip may point to transformer saturation.

#### **A.7.8 Other characteristics and references**

This list of voltage dip characteristics is not exhaustive. Other characteristics, not identified here, may be useful for analysing the effects of voltage dips on various types of loads, control devices, and correction devices. For further details and examples, it is recommended to refer to the following publications: IEC 61000-2-8 and IEEE 1159.

## Annex B (informative)

### Power quality measurement – Guidance for applications

#### B.1 Contractual applications of power quality measurements

##### B.1.1 General

This clause provides guidance on the measurement of Power Quality (PQ) for contractual purposes. It highlights factors that should be considered by the concerned parties.

NOTE The description of voltage quality parameters is discussed below.

It is recommended that B.1.2 should be consulted prior to entering into a PQ contract, whilst B.1.3 should be consulted prior to performing PQ measurements to test compliance with the contract terms.

##### B.1.2 General considerations

The terms specified in the contract will need to be both achievable by one party and acceptable to the other. The starting point for a PQ contract should be a PQ standard or specification. Consideration should be given to the planning and indicative values in the relevant IEC standards, for example, IEC 61000-2-2, IEC 61000-2-4, IEC 61000-2-12 and parts of IEC 61000-3-6 and IEC 61000-3-7.

In order to ensure that the results are representative of normal system operating conditions, the PQ measurement survey may discount but not discard data at times when the supply network is subject to severe disturbance resulting from

- exceptional weather conditions;
- third-party interference;
- acts by public authorities;
- industrial action;
- force majeure;
- power shortages resulting from external events.

The contract should specify whether flagged data, as described in the normative part (see 4.7) in this standard, should be excluded from the analysis when assessing the results for contract compliance. If flagged data are excluded, the measurement results will generally be mutually independent for each parameter, and each parameter may be more easily compared directly to a contractual value. If flagged data is included, the measurement results will generally be more directly related to the effects of power quality on sensitive loads, but will be far more difficult or even impossible to compare to any contractual values.

NOTE Flagged data indicate that a disturbance might have influenced the measurement and that consequently a single disturbance might have affected multiple parameters.

When PQ measurements are considered necessary to assess compliance of the supply against contract terms, it is the responsibility of the party that considers the measurements necessary to arrange for them to be performed, if permanent monitoring is not already available. However, this should not preclude the contract from detailing who should perform the measurements. There might be a need to consult third parties.

The contract should indicate how the financial cost of the measurements is to be borne by the concerned parties. This can be dependent upon the measurement results.

The terms of this contract should specify the duration of the contract, the measurement time interval, the PQ parameters to be measured and the electrical location of the measuring instrument(s). See B.1.3 for examples of measurement time interval and PQ parameters.

The choice of the connection mode of the measuring device (i.e. phase-to-neutral or phase-to-phase) should be coherent with the type of supply connection or should result from a common decision between the concerned parties. It should be explicitly mentioned in the contract.

The terms of the contract should specify the use of the measurement methods and the uncertainty described in the normative part of this standard.

The contract should specify the method for determining compensation, in the event of one party failing to honour the terms of the contract.

The contract may contain provisions for the resolution of disputes regarding interpretation of measurements.

The contract will need to address the subject of data access and confidentiality, for example, the party carrying out the PQ measurements might not be the same party that has to analyse the data and assess contract conformity.

### **B.1.3 Specific considerations**

#### **B.1.3.1 General**

Power quality (PQ) is assessed by a comparison between the results of measured PQ parameters, and the limits (contractual values) given in a PQ contract. These limits are beyond the scope of this standard.

In a contract, the description of each PQ parameter may include: contractual value(s), time interval to be considered, duration of the assessment time interval(s), and possibly special procedures regarding “flagged” measurements.

Many PQ parameters (voltage, harmonics, flicker) can show variations between weekday and weekends. For these, the assessment period should be for a week minimum (or an integer number of weeks).

#### **B.1.3.2 Power frequency**

Measurement interval: 1 week minimum assessment period.

Evaluation techniques: 10 s values are considered. The following techniques are suggested, but other evaluation techniques might be agreed between the parties:

- the number, or per cent, of values during the measurement interval that exceed high or low contractual values might be counted;
- the worst-case values might be compared to high and/or low contractual values (the measurement interval might be different for this possibility);
- one or more 95 % (or other percentage) probability weekly values, expressed in hertz, might be compared to high and/or low contractual values;
- the number of consecutive values that exceed high and/or low contractual values might be counted;
- the integration over the measurement interval, of value that deviate from nominal frequency might be compared to contractual values.

### B.1.3.3 Magnitude of the supply voltage

Measurement interval: 1 week minimum assessment period.

Evaluation techniques: 10 min values should be considered. The following techniques are suggested, but other evaluation techniques might be agreed between the parties:

- the number, or per cent, of values during the measurement interval that exceed high or low contractual values might be counted;
- the worst-case values might be compared to high and/or low contractual values (the measurement interval might be different for this possibility);
- one or more 95 % (or other percentage) probability weekly values, expressed in volts, might be compared to high and/or low contractual values;
- the number of consecutive values that exceed high and/or low contractual values might be counted.

### B.1.3.4 Flicker

Measurement interval: 1 week minimum assessment period.

Evaluation techniques: 10 min values ( $P_{st}$ ) and/or 2 hour values ( $P_{lt}$ ) might be considered. The following techniques are suggested for both values, but other evaluation techniques might be agreed between the parties:

- the number, or per cent, of values during the measurement interval that exceed contractual values might be counted;
- a 99 % (or other percentage) probability weekly values for  $P_{st}$ , or 95 % (or other percentage) probability weekly value for  $P_{lt}$ , might be compared to contractual values.

### B.1.3.5 Voltage dips/swells

Measurement interval: 1 year minimum assessment period.

Evaluation techniques: the parties to the contract should agree on the declared input voltage  $U_{din}$ .

NOTE For LV customers, the declared voltage is usually equal to the nominal voltage of the supply system. For MV or HV customers, the declared voltage may be different from the nominal voltage.

The parties to the contract should agree on

- the dip and swell detection thresholds;
- time aggregation techniques;
- location aggregation techniques if more than one location is measured;
- reporting techniques such as residual voltage/duration tables,
- any other evaluation techniques that might be relevant.

### B.1.3.6 Voltage interruptions

Measurement interval: 1 year minimum assessment period.

Evaluation techniques: the parties might agree on a duration that defines the borderline between "short" and "long" voltage interruptions. The count of the voltage interruptions, and the total duration of the "long" voltage interruptions during the measurement interval, might be considered. Other evaluation techniques might be agreed between the parties.

Interruptions for which the customer is informed in advance (for example, minimum 24 h) could be counted separately from interruptions for which the customer is not informed in advance.

#### **B.1.3.7 Supply voltage unbalance**

Measurement interval: 1 week minimum assessment period.

Evaluation techniques: 10 min values and/or 2 h values might be considered. The following techniques are suggested for both values, but other evaluation techniques might be agreed between the parties:

- the number, or per cent, of values during the measurement interval that exceed contractual values might be counted;
- the worst-case values might be compared to contractual values (the measurement interval might be different for this possibility, for example one year);
- one or more 95 % (or other percentage) probability weekly values, expressed in per cent, might be compared to contractual values.

#### **B.1.3.8 Harmonic voltages**

Measurement interval: 1 week minimum assessment period for 10 min values, and daily assessment of 150/180-cycle values for at least 1 week.

Evaluation techniques: 150/180-cycle time interval and/or 10 min values might be considered. Contractual values may be applied to individual harmonics, or range of harmonics, or other groupings, for example, even and odd harmonics, according to agreement between the parties to the contract. The following techniques are suggested for all values, but other evaluation techniques might be agreed between the parties:

- the number, or per cent, of values during the measurement interval that exceed contractual values might be counted;
- the worst-case values might be compared to contractual values (the measurement interval might be different for this possibility, for example one year);
- one or more 95 % (or other percentage) probability weekly values for 10 min values, and/or 95 % (or other percentage) probability daily values for 150/180-cycle time interval values, expressed in per cent, might be compared to contractual values.

#### **B.1.3.9 Interharmonic voltages**

Measurement interval: 1 week minimum assessment period for 10 min values, and daily assessment of 150/180-cycle values for at least 1 week.

Evaluation techniques: 150/180-cycle time interval and/or 10 min values might be considered. Contractual values may be applied to a range of interharmonics, or other groupings, according to agreement between the parties to the contract. The following techniques are suggested for all values, but other evaluation techniques might be agreed between the parties:

- the number, or per cent, of values during the measurement interval that exceed contractual values might be counted;
- the worst-case values might be compared to contractual values (the measurement interval might be different for this possibility, for example one year);
- one or more 95 % (or other percentage) probability weekly values for 10 min values, and/or 95 % (or other percentage) probability daily values for 150/180-cycle time interval values, expressed in per cent, might be compared to contractual values.

### **B.1.3.10 Mains signalling voltage on the supply voltage**

Measurement interval: 1 week minimum assessment period.

Evaluation techniques: the following techniques are suggested for all values, but other evaluation techniques might be agreed between the parties:

- the number, or per cent, of values during the measurement interval that exceed contractual values might be counted;
- the worst-case values might be compared to contractual values (the measurement interval might be different for this possibility).

## **B.2 Statistical survey applications**

### **B.2.1 General**

These provide guidance for designing and performing statistical power quality surveys (including permanent monitoring) in support of:

- a) Consumer requirements, where the aim of such surveys is to provide the consumer with information on the power quality parameters seen by the consumer referenced against a set of recognized power quality indices. These indices may relate to recognized standards, or a pre-defined set of requirements specified for a particular installation or item of equipment (e.g. contracts or equipment specifications).
- b) Network operator requirements for assessing existing levels of distortion/disturbance on the network (e.g. in the assessment required for the connection of new loads).

Historically, networks have been designed and operated differently in different countries and any attempt to normalize the outputs of different national power quality surveys will be extremely complex and open to misinterpretation.

This clause explains the aim of power quality statistics and gives some guidelines.

The first objective of these techniques is to compress a large number of measured values.

The second objective is to compute power quality indices for benchmarking, either on one specific point or for a whole network in order to:

- verify the compliance with contractual agreement (see Clause B.1),
- monitor the performance evolution of a network during long periods,
- compare different networks during the same interval.

### **B.2.2 Considerations**

A statistical analysis shall be done with homogeneous values: same measurement time interval, same measurement data, same network, etc.

Statistics computation is based on a classification of the measured values.

For each parameter, the user defines a "normal range" of variation and may choose to include or not, flagged data (see 4.7), since this data by definition can be irrelevant.

The normal range of variation is then divided into several classes of equal width. The number of classes determines the confidence interval – 100 classes seem adequate. Classes remain constant over a measurement period – 1 day, 1 week, 1 year, etc. – and are ordered from the lowest to the greatest class value within the normal range of variation.

The number of measured values within each class is counted. These counts may be used to determine cumulative curves, which in turn may be used to determine percentiles.

The statistics formula with the confidence level, for example 95 %, should be used to determine the confidence interval. When the number of statistical values is small, one should be careful about the confidence interval.

### **B.2.3 Power quality indices**

#### **B.2.3.1 Characterizing a single point on the network**

One single measurement point may be characterized by two kinds of power quality indices depending on the phenomena concerned:

- statistical indices like percentiles, maximum or mean values over a period of time (see IEC 61000-3-6 for harmonics, IEC 61000-3-7 for flicker, or IEC 61000-3-13 for unbalance);
- event counting and tabulating.

Examples of power quality indices are given for each parameter in B.1.3.

#### **B.2.3.2 Characterizing an entire network**

An entire network is a collection of single points classified by type of network or customers. Weighting rules might be defined in order to get global results. Weighting rules might apply both to statistical indices and events.

### **B.2.4 Monitoring objectives**

Power quality monitoring is necessary to characterize electromagnetic phenomena at a particular location on an electric power circuit.

The objective may be as simple as verifying steady state voltage regulation at a service entrance, or may be as complex as analyzing the harmonic current flows within a distribution network.

Generally speaking, power quality monitoring is carried out for one of three reasons.

- a) Troubleshooting: To diagnose incompatibilities between the electric power source and existing equipment connected within an installation.
- b) PQ evaluation: To evaluate the electrical environment at a particular location to refine modelling techniques or to develop a power quality baseline.
- c) Planning the connection of new equipment: To predict future performance of equipment or power quality mitigating devices that are planned to be connected within an installation. In any event, the most important task in any monitoring project is to define clearly the objectives of monitoring.

The procedure for defining monitoring objectives will depend upon the reason for carrying out the monitoring. From this will come the parameters to be measured, the duration of the monitoring and the thresholds against which the parameters will be evaluated.

### **B.2.5 Economic aspects of power quality surveys**

There are several elements that impact on the cost and overall economics of a measurement campaign. These elements include:

- measurement equipment;
- transducers;
- installation, including connection access;

- labour;
- communications;
- data management (database, etc.);
- data processing and analysis;
- survey duration.

Of these elements, the measurement equipment cost itself is rarely the most expensive item. In electric utility substation and feeder applications, the installation and labour costs usually dominate the measurement equipment costs by a significant margin. When the total life cycle of a long term measurement campaign is considered, the communication and data analysis costs begin to dominate. It is wise therefore to choose instrumentation that is easy to install, has many communication options, and provide the data in a form that simplifies the analysis task (e.g. the data are available in a standardized format).

An obvious multiplier of measurement campaign cost, is related to the duration of a survey. This is applicable to compliance measurement campaigns such as those associated with standards such as EN 50160. The guidance in this regard is to first, comply with national standards requirements for survey durations and then second, take into consideration the context of the measurement when the duration is not explicitly mandated in a national standard. The duration of the measurement campaign should be tailored to the situation in such way that the survey duration can be minimized whilst obtaining enough information to properly conduct the assessment. Factors that influence the selection of the duration of a measurement campaign include:

- customer type (e.g. residential, commercial, industrial);
- reason for monitoring (see above);
- variability of the load and time frame over which that variability is expected to be experienced.

Prior to installing a permanent power quality monitoring system, a business case often has to be developed. Typical business cases include both tangible and intangible benefits. Direct, tangible benefits include:

- identification by signature analysis of failing equipment before total failure (e.g. tap changers, capacitor banks and their switches, transformers);
- reduction of system restoration time (e.g. fault finding);
- contract compliance;
- connection requirements for new equipment.

Intangible benefits include:

- identifying problem feeders to help improve reliability indices;
- customer feedback to improve customer relations.

The economics of a power quality measurement campaign can be improved by augmenting the system with information gathered by other equipment not specifically designed for power quality measurement. Sharing resources in this manner allows the cost of measurement to be shared with the primary cost of the device: reclosers, capacitor switch controllers, etc.

### **B.3 Locations and types of surveys**

#### **B.3.1 Monitoring locations**

The choice of locations to install power quality monitors will be dependent upon the objective of the survey. If the monitoring objective is to diagnose an equipment performance problem, then the monitor should be placed as close to the load as possible. This applies to performance

problems with both sensitive electronic loads such as computers and adjustable speed drives, and electrical distribution equipment such as circuit breakers and capacitors. After the voltage fluctuations are detected, the monitor may be moved upstream on the circuit to determine the source of the disturbance.

Monitoring location may also be determined by cost and convenience as long as it does not compromise the technical, regulatory or legal objectives. For example, it is less costly to monitor at low voltage than at high voltage. Measuring in a substation is generally less expensive than on a feeder or on a pole.

For compliance monitoring related to service contracts, a monitoring location shall be agreed to by all parties to the contract in advance. This is typically defined as the Point of Common Coupling (PCC) between the customer and the system. Where the PCC is defined as the point on a public power supply network, electrically nearest to a particular load, at which other loads are, or could be, connected.

### **B.3.2 Pre-monitoring site surveys**

Prior to conducting a measurement campaign, it is recommended that information regarding the system environment be gathered to facilitate proper instrument placement, operation and analysis. Elements that are common to all surveys include among others:

- electrical system data (single-line diagrams, transformer specifications, transformer connection, short circuit levels, capacitor bank size and location, branch circuit data, load data, grounding, etc.);
- changes in installation topology over time (e.g. power factor capacitor status, loads, transformers in/out of service, etc.);
- known disturbing loads, rating and operating regime.

### **B.3.3 Customer side site survey**

For surveys within a customer's installation, in addition to the information mentioned above, it is useful to gather information on any encountered problems. For example the nature and characteristics of sensitive equipment, the time stamp of any events that coincide with a reduction in performance. These events should be checked for coincidence with operations within the installation and on the network.

### **B.3.4 Network side survey**

Surveys of the supply network itself require that network specific information be gathered including:

- network protection equipment and settings
  - if the settings are changed for any reason during the course of a survey, it can impact the statistics of voltage dips, for example,
  - this permits evaluation of alternative protection scenarios based on survey results;
- existence and characteristics of ripple control (or other relevant telecontrol via power line carrier) that may impact measurements;
- load characteristics (e.g. industrial, commercial, residential or mixture);
- network operation protocol with regards to volt/var control – regulation.

## **B.4 Connections and quantities to measure**

### **B.4.1 Equipment connection options**

There are several decisions that need to be made related to connecting the measurement equipment. These decisions include:

- single-phase versus three-phase measurement;
- line-to-line versus line-to-neutral or line-to-ground connection;
- high side versus low side measurement near transformers.

These decisions will be heavily influenced by the reason for the survey. Sometimes, connection requirements may be specified inherently by a particular standard against which the survey is being conducted. Whatever the case, the connection should be made in a way that is consistent with the requirements or connection of the affected equipment, taking into account transformer connection issues.

A general observation can be made that when measuring steady state phenomena such as harmonics and flicker, single-phase measurements can often be made instead of three phase measurements. This is possible because these phenomena are often reasonably balanced. This assumption should be checked by performing a temporary three-phase measurement. When voltage dips and swells are the primary reason for monitoring, it is necessary to monitor all phases powering the affected equipment.

When general surveys are being performed with a three-phase connection and/or there are several voltage transformations downstream from the monitored location, connecting the measurement equipment from line-to-neutral on grounded systems is recommended because the line-to-line values can often be derived either in the instrument or off-line.

Where this is not the case, the connection mode of the monitoring instrument should be chosen taking into account both the connection mode of the potentially affected equipment and the successive voltage transformations downstream.

#### **B.4.2 Priorities: Quantities to measure**

The quantities to measure will generally be defined by the monitoring objectives, relevant compliance standards and other factors. For general surveys, it will be necessary, in order to conserve memory space, to identify a priority order for the quantities to monitor. For example:

- a) power parameters ( $V$ ,  $I$ ,  $P$ ,  $Q$ ,  $S$ ,  $DPF$ ,  $TPF$ , etc.),
- b) voltage dips/swells,
- c) harmonic voltage,
- d) harmonic current,
- e) unbalance,
- f) transients (e.g. capacitor switching – low frequency),
- g) flicker,
- h) interharmonic voltages and currents,
- i) mains signalling.

NOTE DPF is the Displacement Power Factor, or the cosine of the angle between the fundamental voltage and the fundamental current. TPF is the true power factor, or the ratio between watts and volt-amperes.

This ordering is an example; the actual prioritization depends on the overall goals and objectives of a particular measurement campaign.

Once the priority is established and an instrument chosen based on those priorities, it is recommended that as much information as the instrument can provide be utilized. It is generally easier to discard data after a survey rather than to derive them when a quantity is desired later that was not directly measured. Generally, the only issues affecting this decision are instrument storage capabilities and communication time/cost impacts.

### **B.4.3 Current monitoring**

In general, customers are responsible for the current that their equipment draws from or injects into the system and the supplier is responsible for the supply voltage. This fact can be used as the basis for deciding when to measure currents.

The measurement of current is important for the concept of emission assessment. The measurement of the magnitudes of the harmonic currents is normally sufficient for compliance tests. In other types of tests, knowledge of the phase angles of the harmonic currents is important, for example in studies to determine whether the harmonic currents of a planned new installation, when superimposed on the already existing harmonic currents, are acceptable or not. Moreover, the information on phase angles between harmonic currents and harmonic voltages helps to find unknown sources of possibly distorting harmonic currents. The accurate measurement of phase angles needs appropriate instrumentation, including voltage and current sensors, and may become increasingly difficult with increasing order of the harmonics.

The measurement of current can be invaluable in determining sources/causes of power quality events, since it can help to determine if the cause of the event is up stream or down stream of the measuring instrument. This is particularly true for voltage dips.

## **B.5 Selecting the monitoring thresholds and monitoring period**

### **B.5.1 Monitoring thresholds**

Monitoring thresholds may be determined by the power quality indices against which the results are to be compared, or may be determined by the load requirements. Once again, the reasons for performing the power quality survey shall be consulted.

The difference between thresholds used for disturbance capture, versus thresholds used for event characterization, counting and analysis, should be considered.

As a general recommendation, thresholds should be as tight as feasible (while avoiding continuous triggering). Wider thresholds can be effectively implemented subsequently on captured data, but data that was missed due to loose thresholds can never be recaptured.

Thresholds on sliding references should be used when measuring at an unregulated portion of the network. For example, monitors deployed on distribution feeders with load tap changers or capacitor bank based voltage regulation may be able to use fixed thresholds. Transmission systems or other portions of the network that are not directly regulated with regards to voltage should use the sliding reference method.

### **B.5.2 Monitoring period**

The monitoring period will be determined by the reasons for performing the power quality survey. For example, if the results are to be compared against power quality indices, there may be guidance in those indices regarding the monitoring period.

It is often useful to compare power quality measurements over time, for example comparing one year to the previous year. If this type of comparison is useful, the monitoring period may be permanent.

Some standards may specify minimum measurement periods. In any case, event measurements such as voltage dips and swells generally require longer measurement periods in order to capture enough events to provide meaningful statistics (months). Rarer events such as interruptions may require even longer periods; in contrast, for harmonics and other steady state measurements, meaningful information may be captured in relatively short periods of time (minimum of one week).

For compliance monitoring, the monitoring period should already be specified in the relevant standard. For practical reasons, it may be necessary to interpret the standard - for example “do you need to measure for one year for EN 50160 compliance? Does it need to be continuous?”

## **B.6 Statistical analysis of the measured data**

### **B.6.1 General**

A suitable statistical analysis method shall be chosen for the data. Different statistical methods may be selected, depending on the power quality parameter and measurement objectives, but the methods can be roughly divided into:

- methods that count the number of events that exceed some threshold, and
- methods that summarize large numbers of quasi-steady-state measurements into a single number or a few numbers.

For the latter methods, various possible numbers may be chosen as the most useful summary value: maximum value, 99 % value, 95 % value, average value, minimum value, etc. In many references, the 95 % probability value has been found to be useful.

### **B.6.2 Indices**

Prior to carrying out a measurement campaign, it is necessary to understand the indices against which the results of the campaign will be compared. This information will help to determine the duration of the campaign, trigger thresholds and statistical analysis of the results. In the absence of a recognized standard, it will be necessary to devise a specific set of indices for each measurement campaign.

There has been much work done by various professional bodies around the world on the subject of power quality indices. Some of the better known of these are listed under the bibliography.

## **B.7 Troubleshooting applications**

### **B.7.1 General**

Power-quality-related troubleshooting is generally performed in response to operational incidents or problems. Consequently, it is often desirable to produce results as quickly as possible, rather than producing data of archival or contractual value. Nevertheless, this need for fast diagnosis should not lead to premature or unfounded conclusions.

Typically, raw unaggregated samples are most useful for troubleshooting, as they permit any type of post-processing that may be desired, for example, signatures, wavelets, etc. However, to minimize the amount of data to be stored and reviewed for troubleshooting, it is useful for the instrument to record and present only data that were recorded just prior to, during, and after an event such as a voltage dip or transient.

### **B.7.2 Power quality signatures**

Signatures are graphic presentations of power quality events, often accompanied by a short table of numeric characteristics.

The most common form is a time-domain plot of voltage and current. Other forms, such as histogram displays of harmonics, cumulative probability distributions, etc., may also be useful. Common timescales for signatures range from 100  $\mu$ s to 30 day. Usually, an instrument determines the best timescale for presenting a power quality event based on the event's characteristics and duration.

It is generally agreed that useful signatures show the signal before, during, and after the power quality event (pre-trigger system). Typically, a quarter of the graph is allocated to the signal just prior to the event.

These power quality signatures are useful for troubleshooting problems throughout electrical networks, including customers' installations. Typically, they are used to identify and locate the source of a power quality event and to select an appropriate solution.

An expert might use the signature of a voltage dip, for example, to determine that the cause is a large motor starting downstream from the monitoring location, and to select an appropriate solution. Although this example deals with voltage dips, widely available reference books set out the typical signatures for hundreds of different power quality events: switching of power factor correction capacitors, lightning strikes, utility and customer faults, loose wiring, arcing contacts, radio transmission interference, electronic loads that share circuits with motors, etc.

Although many experts can identify common power quality events from their voltage signatures alone, having current signatures as well greatly increases the range and precision of statements that can be made about a power quality event. Moreover, current signatures can assist in identifying the direction of the cause of a disturbance.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61000-4-30:2008

Withdrawn

## **Annex C** (informative)

### **Guidance on instruments**

#### **C.1 General**

This standard is a basic EMC publication. Detailed guidance on instrument performance, performance verification methods, additional influence quantities and other similar information should, in general, be found in a product standard.

However, such product standards are not yet available, and it is recognized that users of this standard wish to design, specify, test or select a power quality instrument using this basic standard. This annex provides some informative guidance.

After complete product standards become available, this annex may be removed in a future edition.

#### **C.2 Summary of requirements**

Table C.1 provides an informative summary of the requirements for classes A and S. In case of any conflict between Table C.1 and the normative clauses of this standard, the normative clauses prevail.

IECNORM.COM : Click to view the full text of IEC 61000-4-30:2008

**Table C.1 – Summary of requirements**

Section and Parameter	Class	Measurement Method	Uncertainty	Measuring range(1)	Influence Quantity range(2)	Aggregation method
5.1 Frequency	A	See 5.1.1	±10 mHz	42,5 Hz ~ 57,5 Hz, 51 Hz ~ 69 Hz	42,5 Hz ~ 57,5 Hz, 51 Hz ~ 69 Hz	N/R
	S	See 5.1.1	±50 mHz	42,5 Hz ~ 57,5 Hz, 51 Hz ~ 69 Hz	42,5 Hz ~ 57,5 Hz, 51 Hz ~ 69 Hz	N/R
5.2 Magnitude of the Supply	A	See 5.2.1	±0,1 % $U_{din}$	10 % ~ 150 % $U_{din}$	10 % ~ 200 % $U_{din}$	See 4.4 and 4.5
	S	See 5.2.1	±0,5 % of $U_{din}$	20 % ~ 120 % $U_{din}$	10 % ~ 150 % $U_{din}$	See 4.4 and 4.5
5.3 Flicker	A	IEC 61000-4-15	IEC 61000-4-15	0,2 ~ 10,0 $P_{st}$	0 ~ 20 $P_{st}$	IEC 61000-4-15
	S	IEC 61000-4-15	See 5.3.2	0,4 ~ 4,0 $P_{st}$	0 ~ 10 $P_{st}$	IEC 61000-4-15
5.4 Dips and Swells	A	$U_{rms(1/2)}$	Amplitude ±0,2 % $U_{din}$ Duration +/- 1 cycle	N/A	N/A	N/R
	S	See 5.4.1	Amplitude ±1 % of $U_{din}$ Duration +/- 1 cycle or +/-2 cycles	N/A	N/A	N/R
5.5 Interruptions	A	$U_{rms(1/2)}$	Duration +/- 1 cycle	N/A	N/A	N/R
	S	see 5.5.1	Duration +/- 1 cycle or +/-2 cycles	N/A	N/A	N/R
5.7 Unbalance	A	Symmetrical components: $U_2$ and $U_0$	±0,15 %	0,5 % ~ 5 % $U_2$ 0,5 % ~ 5 % $U_0$	0 % ~ 5 % $u_2$ 0 % ~ 5 % $u_0$	See 4.4 and 4.5
	S	Symmetrical components: $U_2$ , and optionally $U_0$	±0,3 %	1 % ~ 5 % $u_2$ 1 % ~ 5 % $u_0$ if implemented	0 % ~ 5 % $u_2$ 0 % ~ 5 % $u_0$ if implemented	See 4.4 and 4.5
5.8 Voltage Harmonics	A	See 5.8.1	IEC 61000-4-7 Class I	10 % ~ 200 % of Class 3 of IEC 61000-2-4	200 % of Class 3 of IEC 61000-2-4	See 4.4 and 4.5
	S	See 5.8.1	200 % of IEC 61000-4-7 Class II	10 % ~ 100 % of Class 3 of IEC 61000-2-4	200 % of Class 3 of IEC 61000-2-4	See 4.4 and 4.5
5.9 Voltage Inter-harmonics	A	See 5.9.1	IEC 61000-4-7 Class I	10 % ~ 200 % of Class 3 of IEC 61000-2-4	200 % of Class 3 of IEC 61000-2-4	See 4.4 and 4.5
	S	SBM	SBM	SBM	200 % of Class 3 of IEC 61000-2-4	See 4.4 and 4.5
5.10 Mains Signalling Voltage	A	See 5.10.1	See 5.10.2	0 % ~ 15% $U_{din}$	0 % ~ 15% $U_{din}$	N/R
	S	SBM	SBM	SBM	0 % ~ 15% $U_{din}$	N/R
5.12 Under/over deviation	A	See 5.12.1	See 5.12.2	See 5.12.2	N/A	See 4.4 and 4.5
	S	N/R	N/R	N/R	N/A	N/R
Transient Voltages IEC 61180	A	N/R	N/R	N/R	6 kV peak see (3) below	N/A
	S	N/R	N/R	N/R	N/R	N/A
Fast Transients IEC 61000-4-4	A	N/R	N/R	N/R	4 kV peak see (3) below	N/A
	S	N/R	N/R	N/R	N/R	N/A

**SBM** = Specified by Manufacturer, **N/R** = no requirement, **N/A** = not applicable

- (1) The instrument shall meet the uncertainty requirements for signals within the measuring range.
- (2) The instrument shall tolerate signals in the influence quantity range without shifting the measurement of other parameters out of their uncertainty requirement, and without instrument damage. The instrument may indicate overrange for signals greater than the measuring range, up to the influence quantity range (not including transients and fast transients).
- (3) For transient voltages and fast transients, there shall be no effect on any measurement after the transient. The transients are applied to the measuring terminals, not to the instrument power terminals.

NOTE Class B methods are not included in the table above because they are not recommended for new designs. Readers are advised that Class B may be removed in a future Edition of this standard.

### C.3 Guidance on testing

The power quality parameters in this standard may be grouped into two categories: non-triggered and triggered. Non-triggered parameters, for example, include magnitude of the supply, frequency, harmonics, flicker, unbalance and related parameters. Triggered parameters, for example, include dips, swells and interruptions.

The steady-state tests given in Clause 6 are sufficient to verify the uncertainty, performance and influence quantity response of non-triggered parameters. However, the steady-state tests given in Clause 6 do not completely verify that all parameters have been implemented correctly.

For both triggered and non-triggered parameters, implementation according to Clause 5 may be verified with non-steady-state waveforms.

For example, to verify that an instrument's voltage dip measurement method is implemented according to 5.4, one non-steady-state waveform might be used to verify that voltage dips are measured using true RMS; and a second non-steady-state waveform might be used to verify that the true RMS is calculated every cycle; and a third non-steady-state waveform might be used to verify that the true RMS is updated every half-cycle; and a fourth non-steady-state waveform might be used to verify the half-cycle is independently synchronized to each channel, and a fifth non-steady-state signal might be used to verify that the depth and duration on poly-phase dips are correctly reported.

The example given in the preceding paragraph is intended only as an illustration for guidance. Full verification of all parameters might require testing with hundreds of non-steady-state waveforms. (Alternatively, method implementation verification might, in some cases, be performed with a detailed firmware validation.)

This standard does not provide a complete list of tests for verifying that measurement methods have been implemented correctly. Such a list may, in the future, be found in product standards.

Also, for certain parameters in some classes, there are requirements that certain items be "specified by the manufacturer". During performance verification, compliance with this type of requirement should be verified by examining the published specifications of the instrument.

### C.4 Guidance on reporting

Reporting that an instrument complies with class A, B, or S is not sufficient.

At a minimum, the following items should also be reported:

- the acceptable range of  $U_{\text{din}}$  and its associated frequency;
- any accessories or options that may be necessary for compliance;
- a list of each of the parameters in this standard, with the verified class for each parameter.

## Bibliography

IEC 60044-1:1996, *Instrument transformers – Part 1: Current transformers*

IEC 60044-2:1997, *Instrument transformers – Part 2: Inductive voltage transformers*

IEC 60050-101, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 101: Mathematics*

IEC 60050-300, *International Electrotechnical Vocabulary – Electrical and electronic measurements and measuring instruments – Part 311: General terms relating to measurements – Part 312: General terms relating to electrical measurements – Part 313: Types of electrical measuring instruments – Part 314: Specific terms according to the type of instrument*

IEC 61000-2-8, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-8: Environment – Voltage dips, short interruptions on public electric power supply system with statistical measurement results*

IEC 61000-2-12, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-12: Environment – Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public medium-voltage power supply systems*

IEC 61000-3-3:1994, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current  $\leq 16$  A per phase and not subject to conditional connection*  
Amendment 1 (2001)  
Amendment 2 (2005)

IEC/TR 61000-3-6:2008, *Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-6: Limits - Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems*

IEC/TR 61000-3-7:2008, *Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-7: Limits - Assessment of emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV power systems*

IEC 61000-3-11:2000, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3: Limits – Section 11: Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with rated current  $\leq 75$  A and subject to conditional connection – Basic EMC publication*

IEC/TR 61000-3-13, *Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-13: Limits - Assessment of emission limits for the connection of unbalanced installations to MV, HV and EHV power systems*

IEC 61010 (all parts), *Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use*

IEC 61010-2-032, *Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use – Part 2-032: Particular requirements for hand-held and hand-manipulated current sensors for electrical test and measurement*

IEC 61557-12, *Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 12: Performance measuring and monitoring devices (PMD)*

IEEE 1159:1995, *Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality*

EN 50160, *Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems*

---

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61000-4-30:2008

# Withdrawn

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	67
INTRODUCTION.....	69
1 Domaine d'application .....	70
2 Références normatives.....	70
3 Termes et définitions .....	71
4 Généralités.....	76
4.1 Classes de méthodes de mesure.....	76
4.2 Organisation des mesures.....	76
4.3 Valeurs électriques à mesurer .....	77
4.4 Agrégation des intervalles de temps de mesure.....	77
4.5 Processus d'agrégation des mesures .....	78
4.5.1 Exigences.....	78
4.5.2 Agrégation sur 150/180 périodes .....	78
4.5.3 Agrégation sur 10 min .....	78
4.5.4 Agrégation sur 2 heures .....	82
4.6 Incertitude d'horloge temps réel (RTC).....	82
4.7 Concept de "flagging" (marquage).....	82
5 Paramètres de qualité de l'alimentation.....	83
5.1 Fréquence industrielle.....	83
5.1.1 Méthode de mesure.....	83
5.1.2 Incertitude de mesure et plage de mesure .....	83
5.1.3 Évaluation des mesures .....	83
5.1.4 Agrégation.....	84
5.2 Amplitude de la tension d'alimentation .....	84
5.2.1 Méthode de mesure.....	84
5.2.2 Incertitude de mesure et plage de mesure .....	84
5.2.3 Évaluation des mesures .....	84
5.2.4 Agrégation.....	84
5.3 Papillotement («flicker»).....	84
5.3.1 Méthode de mesure.....	84
5.3.2 Incertitude de mesure et plage de mesure .....	85
5.3.3 Évaluation des mesures .....	85
5.3.4 Agrégation.....	85
5.4 Creux de la tension d'alimentation et surtensions temporaires à fréquence industrielle .....	85
5.4.1 Méthode de mesure.....	85
5.4.2 Détection et évaluation d'un creux de tension.....	86
5.4.3 Détection et évaluation d'une surtension temporaire à fréquence industrielle.....	87
5.4.4 Calcul de la tension de référence glissante.....	88
5.4.5 Incertitude de mesure et plage de mesure .....	88
5.4.6 Agrégation.....	88
5.5 Coupures de la tension d'alimentation .....	89
5.5.1 Méthode de mesure.....	89
5.5.2 Évaluation d'une coupure de tension .....	89
5.5.3 Incertitude de mesure et plage de mesure .....	89

5.5.4	Agrégation.....	89
5.6	Tensions transitoires.....	89
5.7	Déséquilibre de la tension d'alimentation.....	89
5.7.1	Méthode de mesure.....	89
5.7.2	Incertitude de mesure et plage de mesure.....	90
5.7.3	Évaluation des mesures.....	91
5.7.4	Agrégation:.....	91
5.8	Harmoniques de tension.....	91
5.8.1	Méthode de mesure.....	91
5.8.2	Incertitude de mesure et plage de mesure.....	92
5.8.3	Évaluation des mesures.....	92
5.8.4	Agrégation.....	92
5.9	Interharmoniques de tension.....	92
5.9.1	Méthode de mesure.....	92
5.9.2	Incertitude de mesure et plage de mesure.....	92
5.9.3	Evaluation des mesures.....	93
5.9.4	Agrégation.....	93
5.10	Tension de transmission de signaux.....	93
5.10.1	Méthode de mesure.....	93
5.10.2	Incertitude de mesure et plage de mesure.....	94
5.10.3	Evaluation des mesures.....	94
5.10.4	Agrégation.....	94
5.11	Variations rapides de tension (RVC).....	94
5.12	Mesure des paramètres de «valeur basse» et de «valeur haute» de la tension («tension haute» et de «tension basse»).....	94
5.12.1	Méthode de mesure.....	94
5.12.2	Incertitude de mesure et plage de mesure.....	95
5.12.3	Agrégation.....	95
6	Domaine de variation des grandeurs d'influence et vérification en régime établi.....	95
6.1	Domaine de variation des grandeurs d'influence.....	95
6.2	Vérification de performance en régime établi.....	98
Annexe A (informative) Mesures de la qualité de l'alimentation – Informations et lignes directrices.....		100
Annexe B (informative) Mesures de la qualité de l'électricité – Recommandations pour les applications.....		114
Annexe C (informative) Recommandations concernant les appareils de mesure.....		127
Bibliographie.....		130
Figure 1 – Chaîne de mesure.....		77
Figure 2 – Synchronisation des intervalles d'agrégation pour la classe A.....		79
Figure 3 – Synchronisation des intervalles d'agrégation pour la classe S: paramètres pour lesquels les discontinuités ne sont pas autorisées.....		80
Figure 4 – Synchronisation des intervalles d'agrégation pour la classe S: paramètres pour lesquels les discontinuités sont autorisées (voir paragraphe 4.5.2).....		81
Figure 5 – Exemple d'incertitude de déséquilibre de tension d'alimentation.....		91
Figure A.1 – Spectre de fréquence de formes d'onde d'essais typiquement représentatives.....		106

Tableau 1 – Plage de grandeur d'influence ..... 97  
Tableau 2 – Vérification de l'incertitude en régime établi pour la classe A et la classe S..... 99  
Tableau C.1 – Résumé des exigences ..... 128

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61000-4-30:2008  
Withdrawn

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

## COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) –

**Partie 4-30: Techniques d'essai et de mesure –  
Méthodes de mesure de la qualité de l'alimentation**

## AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications, la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61000-4-30 a été préparée par le sous-comité 77A: Phénomènes basse fréquence, du comité d'étude 77 de la CEI: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitue la partie 4-30 de la CEI 61000. Elle a le statut de publication fondamentale en CEM conformément au guide 107 de la CEI.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2003. Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente :

- Ajustements, clarifications et corrections sur les méthodes de mesures pour la classe A et la classe B.
- Une nouvelle catégorie, la classe S, destinée aux appareils de mesure pour des campagnes statistiques, a été ajoutée.
- Une nouvelle annexe C fournit des recommandations sur les appareils de mesure.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
77A/660/FDIS	77A/666/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 61000, présentées sous le titre général *Compatibilité électromagnétique*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61000-4-30:2008

## INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément à la structure suivante:

### **Partie 1: Généralités**

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)

Définitions, terminologie

### **Partie 2: Environnement**

Description de l'environnement

Classification de l'environnement

Niveaux de compatibilité

### **Partie 3: Limites**

Limites d'émission

Limites d'immunité (dans la mesure où elles ne tombent pas sous la responsabilité des comités produits)

### **Partie 4: Techniques d'essai et de mesure**

Techniques de mesure

Techniques d'essai

### **Partie 5: Directives d'installation et d'atténuation**

Guide d'installation

Méthodes et dispositifs d'atténuation

### **Partie 6: Normes génériques**

### **Partie 9: Divers**

Chaque partie est ensuite subdivisée en plusieurs parties, publiées soit comme Normes internationales, soit comme Spécifications Techniques ou Rapports Techniques, dont certaines ont déjà été publiées en tant que sections. D'autres seront publiées avec le numéro de la partie, suivi d'un tiret et complété d'un second chiffre identifiant la subdivision (exemple: 61000-6-1).

## COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) –

### Partie 4-30: Techniques d'essai et de mesure – Méthodes de mesure de la qualité de l'alimentation

#### 1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61000-4 définit les méthodes de mesure des paramètres de qualité de l'alimentation des réseaux à courant alternatif 50/60 Hz et la façon d'interpréter les résultats.

Les méthodes de mesure sont décrites pour chaque paramètre applicable en des termes qui fournissent des résultats fiables et répétitifs indépendamment de l'implémentation de la méthode. La présente norme porte sur les méthodes de mesure destinées aux mesures *in situ*.

La mesure des paramètres couverts par la présente norme se limite aux phénomènes en tension susceptibles de se propager sur un réseau d'énergie électrique. Les paramètres de qualité de l'alimentation pris en compte dans la présente norme sont la fréquence, l'amplitude de la tension d'alimentation, le papillotement («flicker»), les creux et les surtensions temporaires d'alimentation, les coupures de tension, les tensions transitoires, le déséquilibre de tension d'alimentation, les harmoniques et interharmoniques de tension, les signaux transmis sur la tension d'alimentation et les variations rapides de tension. En fonction de l'objet de la mesure, les mesures peuvent porter soit sur une partie des phénomènes de cette liste, soit sur l'ensemble.

NOTE 1 Des informations sur les paramètres en courant se trouvent dans les Articles A.3 et A.5.

La présente norme fournit des méthodes de mesure et des exigences de performances appropriées sans fixer de seuils.

Les effets des transducteurs lorsqu'ils sont placés entre le réseau et l'appareil de mesure sont pris en compte mais non traités en détail dans la présente norme. Les précautions à prendre pour installer des appareils de mesure sur des circuits sous tension sont indiquées dans la présente norme.

NOTE 2 Des recommandations sur les effets des transducteurs se trouvent dans la CEI 61557-12.

#### 2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application de ce document. Pour des références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, c'est la dernière édition du document référencé (y compris tous les amendements) qui s'applique.

CEI 60050(161), *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 161: Compatibilité électromagnétique*

CEI 61000-2-2:2002, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2-2: Environnement – Niveaux de compatibilité pour les perturbations conduites à basse fréquence et la transmission des signaux sur les réseaux publics d'alimentation basse tension*

CEI 61000-2-4, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 2-4: Environnement – Niveaux de compatibilité dans les installations industrielles pour les perturbations conduites à basse fréquence*

CEI 61000-3-8, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3: Limites – Section 8: Transmission de signaux dans les installations électriques à basse tension – Niveaux d'émission, bandes de fréquences et niveaux de perturbations électromagnétiques*

CEI 61000-4-4:2004, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-4: Techniques d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves*

CEI 61000-4-7:2002, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-7: Techniques d'essai et de mesure – Guide général relatif aux mesures d'harmoniques et d'interharmoniques, ainsi qu'à l'appareillage de mesure, applicable aux réseaux d'alimentation et aux appareils qui y sont raccordés*

Amendement 1 (2008)

CEI 61000-4-15, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 15: Flickermètre – Spécifications fonctionnelles et de conception*

CEI 61180 (toutes les parties), *Techniques des essais à haute tension pour matériels à basse tension*

### 3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions de la CEI 60050-161, ainsi que les suivantes s'appliquent.

#### 3.1

##### **voie (de mesure)**

ensemble des dispositifs de mesure associés à une mesure individuelle

NOTE «Voies» et «phases» n'ont pas la même signification. Une voie de mesure correspond par définition à une différence de potentiel entre deux conducteurs. Une phase correspond à un simple conducteur. Dans les systèmes polyphasés, une voie de mesure peut être entre deux phases ou entre une phase et le neutre, ou entre une phase et la terre, ou entre le neutre et la terre.

#### 3.2

##### **temps universel coordonné**

##### **UTC**

échelle de temps qui constitue la base d'une diffusion radioélectrique coordonnée des fréquences étalon et des signaux horaires, qui a la même marche que le temps atomique international, mais qui en diffère d'un nombre entier de secondes

NOTE 1 Le temps universel coordonné est établi par le Bureau international des poids et mesures (BIPM) et le Service international de la rotation de la Terre (IERS).

NOTE 2 On ajuste l'échelle UTC par insertion ou omission de secondes dites secondes intercalaires positives ou négatives pour assurer sa concordance approximative avec l'échelle UT1.

[VEI 713-05-20]

#### 3.3

##### **tension d'entrée déclarée**

##### **$U_{din}$**

valeur obtenue à partir de la tension d'alimentation déclarée d'un rapport de transformation

### 3.4

#### tension d'alimentation déclarée

$U_c$

la tension d'alimentation déclarée  $U_c$  est généralement la tension nominale  $U_n$  du réseau. Si, par suite d'un accord entre le l'opérateur de réseau et le client, la tension d'alimentation appliquée à ses bornes diffère de la tension nominale, alors, cette tension correspond à la tension d'alimentation déclarée  $U_c$

### 3.5

#### seuil de creux

valeur de tension spécifiée pour permettre de détecter le début et la fin d'un creux de tension

### 3.6

#### données marquées

données qui ont été marquées pour indiquer que leur mesure ou leur agrégation ont pu être affectées par des interruptions, des creux de tension ou des surtensions temporaires

NOTE Le marquage permet d'autres méthodes qui peuvent éviter qu'un événement simple ne soit compté comme différents types d'événements. Le marquage est une information supplémentaire concernant une mesure ou une agrégation. Une donnée marquée n'est pas enlevée du jeu de données. Dans certaines applications, les données marquées peuvent être exclues par une analyse plus approfondie, mais dans d'autres applications le fait que la donnée soit marquée peut être sans importance. L'utilisateur, l'application, l'autorité de régulation ou d'autres normes déterminent l'utilisation des données marquées. Voir 4.7 pour des explications complémentaires.

### 3.7

#### papillotement («flicker»)

impression d'instabilité de la sensation visuelle due à un stimulus lumineux dont la luminance ou la répartition spectrale fluctue dans le temps

[VEI 161-08-13]

### 3.8

#### composante fondamentale

composante dont la fréquence est la fréquence fondamentale

[VEI 101-14-49, modifié]

### 3.9

#### fréquence fondamentale

fréquence du spectre obtenue à partir d'une transformée de Fourier d'une fonction temporelle, servant de référence à toutes les autres fréquences du spectre

[VEI 101-14-50, modifié]

NOTE S'il subsiste un risque d'ambiguïté, la fréquence fondamentale peut être déterminée à partir du nombre de pôles et de la vitesse de rotation du ou des générateurs synchrones alimentant le réseau.

### 3.10

#### composante harmonique

toute composante ayant une fréquence harmonique

[CEI 61000-2-2:2002, 3.2.4]

NOTE Sa valeur est normalement exprimée sous la forme d'une valeur efficace. Pour des raisons de simplicité, cette composante peut simplement être appelée harmonique.

### 3.11

#### fréquence harmonique

fréquence qui est un multiple entier de la fréquence fondamentale

NOTE Le rapport entre la fréquence harmonique et la fréquence fondamentale est *le rang harmonique* (notation:  $h$ ).

**3.12****hystérésis**

différence d'amplitude entre les valeurs aller et retour de seuils

NOTE 1 Cette définition de l'hystérésis est relative à la mesure des paramètres de la qualité de l'alimentation et est différente de celle du VEI qui concerne la saturation des noyaux métalliques.

NOTE 2 Le but de l'hystérésis dans le contexte de mesure de la qualité de l'alimentation est d'éviter de compter de multiples événements lorsque l'amplitude du paramètre oscille près de la valeur de seuil.

**3.13****grandeur d'influence**

grandeur susceptible d'affecter le fonctionnement d'un appareil de mesure

[VEI 311-06-01, modifié]

NOTE Cette grandeur est généralement externe à l'appareil de mesure.

**3.14****composante interharmonique**

composante ayant une fréquence interharmonique

[CEI 61000-2-2:2002, 3.2.6, modifié]

NOTE Sa valeur est en général exprimée sous la forme d'une valeur efficace. Pour des raisons de concision, cette composante peut être simplement appelée *interharmonique*.

**3.15****fréquence interharmonique**

toute fréquence qui n'est pas un multiple entier de la fréquence fondamentale

[CEI 61000-2-2:2002, 3.2.5]

**3.16****coupure**

réduction de la tension en un point du réseau d'énergie électrique en dessous du seuil de coupure

**3.17****seuil de coupure**

valeur de tension spécifiée pour permettre de détecter le début et la fin d'une coupure

**3.18****incertitude de mesure**

paramètre, associé à un résultat de mesure, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient être raisonnablement attribuées au mesurande

[VEI 311-01-02]

**3.19****tension nominale**

$U_n$

tension par laquelle un réseau est désigné ou identifié

### 3.20

#### **valeur haute**

valeur absolue de la différence entre la valeur mesurée et la valeur nominale d'un paramètre, uniquement lorsque la valeur mesurée du paramètre est supérieure à la valeur nominale

### 3.21

#### **qualité de l'alimentation**

caractéristiques de l'électricité en un point donné d'un réseau d'énergie électrique, évaluée par rapport à un ensemble de paramètres techniques de référence

NOTE Ces paramètres peuvent, dans certains cas, tenir compte de la compatibilité entre l'électricité fournie par un réseau et les charges connectées à ce réseau.

### 3.22

#### **Horloge Temps Réel**

#### **RTC**

système d'horloge locale utilise pour implémenter certaines méthodes dans cette norme

NOTE La relation entre l'horloge temps réel et le temps UTC est défini en 4.6

### 3.23

#### **valeur efficace (eff)**

racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés des valeurs instantanées d'une grandeur durant un intervalle de temps spécifié

[VEI 101-14-16, modifié]

### 3.24

#### **tension efficace rafraîchie par demi-période**

#### **$U_{\text{eff}(1/2)}$**

valeur de la tension efficace mesurée sur une période, commençant à un passage par zéro de la composante fondamentale, et rafraîchie à chaque demi-période

NOTE 1 Cette technique est indépendante sur chaque voie de mesure et produira des valeurs efficaces à des instants successifs sur chaque voie en cas de systèmes polyphasés.

NOTE 2 Cette valeur n'est utilisée que pour la détection et l'évaluation, dans la classe A, des creux de tension, des surtensions à fréquence industrielle et des interruptions.

NOTE 3 Cette valeur efficace de la tension peut être une valeur entre phases ou entre phase et neutre.

### 3.25

#### **tension efficace rafraîchie par période**

#### **$U_{\text{eff}(1)}$**

valeur de la tension efficace mesurée sur 1 période et rafraîchie à chaque période

NOTE 1 Au contraire de  $U_{\text{eff}(1/2)}$ , cette technique ne définit pas l'instant de début de période.

NOTE 2 Cette valeur n'est utilisée que pour la détection et l'évaluation, dans la classe S, des creux de tension, des surtensions à fréquence industrielle et des interruptions.

NOTE 3 Cette valeur efficace de la tension peut être une valeur entre phases ou entre phase et neutre.

### 3.26

#### **domaine des grandeurs d'influence**

domaine de variation des valeurs d'une grandeur d'influence donnée

### 3.27

#### **voie de référence**

pour les mesures polyphasées, une des voies de mesure de la tension, désignée comme voie de référence

**3.28****tension résiduelle** $U_{res}$ 

valeur minimale de  $U_{eff(1/2)}$  ou  $U_{eff(1)}$  enregistrée au cours d'un creux ou d'une coupure de tension

NOTE La tension résiduelle est exprimée sous la forme d'une valeur, exprimée en volts, ou d'un pourcentage ou par unité de  $U_{din}$ .  $U_{eff(1/2)}$  est utilisé pour la classe A.  $U_{eff(1/2)}$  ou  $U_{eff(1)}$  peuvent être utilisés pour la classe S. Voir 5.4.1.

**3.29****tension de référence glissante** $U_{rg}$ 

valeur de tension moyennée sur un intervalle de temps spécifié, représentant la tension précédant un événement de type « changement de tension » (par exemple creux ou surtension temporaire à fréquence industrielle ou changement rapide de tension)

**3.30****seuil de surtension temporaire à fréquence industrielle**

valeur de tension spécifiée pour permettre de détecter le début et la fin d'une surtension temporaire à fréquence industrielle

**3.31****agrégation temporelle**

combinaison en séquence de plusieurs valeurs d'un paramètre donné (chacun d'eux étant déterminé sur des périodes de temps identiques) destinée à produire une valeur sur une période de temps plus longue

NOTE Dans la présente norme, le terme agrégation est utilisé pour agrégation temporelle.

**3.32****valeur basse**

pour un paramètre donné, valeur absolue de la différence entre valeur mesurée et valeur nominale, uniquement lorsque la valeur du paramètre est inférieure à la valeur nominale

**3.33****creux de tension**

baisse temporaire de l'amplitude de la tension en un point du réseau d'énergie électrique en dessous d'un seuil donné

NOTE 1 Les interruptions sont un cas particulier des creux de tension. Les traitements ultérieurs permettent de faire la distinction entre creux de tension et interruption.

NOTE 2 La Note 2 s'applique uniquement à la version anglaise.

**3.34****surtension temporaire à fréquence industrielle**

augmentation temporaire de l'amplitude de la tension en un point du réseau d'énergie électrique au-dessus d'un seuil donné

**3.35****déséquilibre de tension**

dans un réseau d'énergie électrique polyphasé, état dans lequel les valeurs efficaces des tensions entre conducteurs (composante fondamentale), et/ou les différences de phase entre conducteurs successifs, ne sont pas toutes égales

[VEI 161-08-09, modifié]

NOTE 1 Le taux de déséquilibre s'exprime habituellement par le rapport de la composante inverse ou homopolaire à la composante directe.

NOTE 2 Dans la présente norme, le déséquilibre de tension est relatif aux réseaux triphasés.

## 4 Généralités

### 4.1 Classes de méthodes de mesure

Pour chaque paramètre, trois classes (A, S et B) sont définies. Pour chaque classe, les méthodes de mesures et les exigences de performance appropriées sont incluses.

#### - Classe A

Cette classe est utilisée lorsque des mesures précises sont nécessaires, comme par exemple pour des applications contractuelles qui peuvent nécessiter la vérification de la conformité à des normes, la résolution de litiges, etc. Les mesures d'un paramètre effectuées avec deux appareils de mesure différents conformes aux exigences de la classe A, lors de la mesure du même signal, produiront des résultats concordants dans la plage d'incertitude spécifiée pour ce paramètre.

#### - Classe S

Cette classe est utilisée pour les applications statistiques comme les campagnes de mesures de grande ampleur ou les évaluations de la qualité de l'électricité, avec potentiellement un sous-ensemble limité de paramètres. Bien qu'elles utilisent des intervalles de mesure équivalents à ceux de la classe A, les exigences de traitement de la classe S sont beaucoup plus souples.

#### - Classe B

Cette classe est définie afin d'éviter de rendre obsolète une grande partie des appareils de mesure existants.

NOTE Les méthodes de la classe B ne sont pas recommandées pour de nouvelles conceptions. Les lecteurs sont avertis qu'il est possible que la classe B soit supprimée d'une future édition de cette norme.

Pour chacune des classes, le domaine de variation des grandeurs d'influence, auxquels il est nécessaire de se conformer, est spécifiée à l'Article 6. Les utilisateurs doivent sélectionner la classe dont ils ont besoin, basée sur leur(s) application(s).

NOTE 1 Le constructeur de l'appareil de mesure devrait déclarer les grandeurs d'influence non expressément données et susceptibles de dégrader les performances de l'appareil de mesure. Une aide peut être trouvée, par exemple, dans la norme CEI 61557-12.

NOTE 2 Un appareil de mesure peut mesurer tout ou partie des paramètres identifiés dans la présente norme et utilise de préférence la même classe pour tous les paramètres.

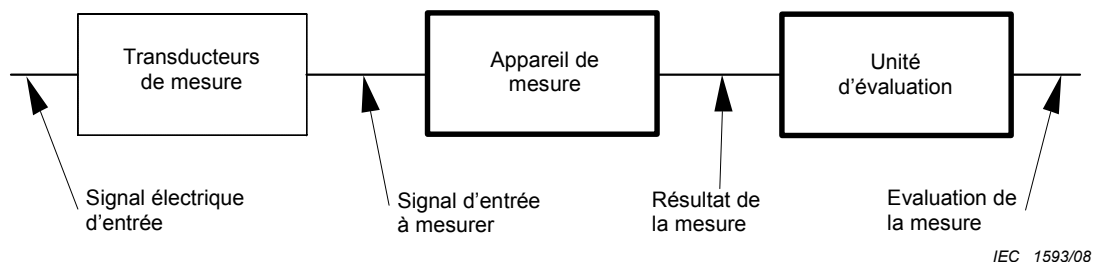
NOTE 3 Il convient que le fabricant d'appareil de mesure déclare quels paramètres sont mesurés, quelle classe est utilisée pour chacun des paramètres, la plage de  $U_{din}$  pour laquelle chacune des classes est satisfaite, et toutes les exigences nécessaires ainsi que les accessoires (synchronisation, sondes, durée d'étalonnage, gammes de température, etc.) pour satisfaire chacune des classes.

NOTE 4 Dans la présente norme, "A" signifie "Advanced" et "S" signifie "Surveys". (Les méthodes "B" ou "Basic" ne sont pas recommandées pour de nouvelles conceptions, parce que la classe B sera peut être supprimée dans une future édition de cette norme).

### 4.2 Organisation des mesures

La grandeur électrique à mesurer peut être soit directement accessible, ce qui est en général le cas sur les réseaux basse tension, soit accessible via des transducteurs de mesure.

La chaîne de mesure complète est illustrée à la Figure 1.



**Figure 1 – Chaîne de mesure**

Un appareil de mesure peut comprendre l'ensemble de la chaîne de mesure (voir Figure 1). Dans la présente norme, la partie normative ne prend en compte ni les transducteurs externes à l'appareil de mesure, ni l'incertitude de mesure qu'ils introduisent, mais l'Article A.3 fournit des informations sur ces sujets.

#### 4.3 Valeurs électriques à mesurer

Des mesures peuvent être effectuées sur les réseaux monophasés ou polyphasés. En fonction du contexte, il peut être nécessaire de mesurer des tensions entre les conducteurs de phase et le neutre (phase-neutre) ou entre les conducteurs de phase (phase-phase) ou entre les conducteurs de phase ou le neutre et la terre (phase-terre, neutre-terre). La présente norme n'a pas pour objet d'imposer le choix des valeurs électriques à mesurer. En outre, excepté pour la mesure du déséquilibre de tensions qui est intrinsèquement polyphasé, les méthodes de mesure spécifiées dans la présente norme sont de nature à permettre l'obtention de résultats indépendants sur chaque voie de mesure.

Les valeurs instantanées phase-phase peuvent être mesurées directement ou dérivées des valeurs mesurées phase-neutre.

Des mesures de courant peuvent être effectuées sur chaque conducteur des réseaux électriques, y compris le neutre et la terre de protection.

NOTE Il est souvent utile de mesurer le courant en même temps que la tension et d'associer les mesures de courant sur un conducteur aux mesures de tension entre ce conducteur et un conducteur de référence, tel qu'un conducteur de terre ou un conducteur de neutre.

#### 4.4 Agrégation des intervalles de temps de mesure

Les agrégations de mesure suivantes s'appliquent:

##### – Classe A

Un intervalle de temps de mesure des amplitudes (tension du réseau, harmoniques, interharmoniques et déséquilibre) doit être de 10 périodes pour un réseau 50 Hz ou de 12 périodes pour un réseau 60 Hz.

La mesure sur 10/12 périodes doit être resynchronisée toutes les impulsions de 10 min RTC. Se reporter à la Figure 2.

NOTE 1 L'incertitude de cette mesure est incluse dans la procédure d'essais associée à chaque paramètre.

Les valeurs sur 10/12 périodes sont ensuite agrégées sur trois intervalles supplémentaires:

- intervalle de 150/180 périodes (150 périodes pour une fréquence nominale de 50 Hz ou 180 périodes pour une fréquence nominale de 60 Hz),
- intervalle de 10 min,

- intervalle de 2 h

NOTE 2 Dans certaines applications, d'autres intervalles de temps (par exemple 1 min) peuvent être utiles. Ces autres intervalles de temps, s'ils sont utilisés, devraient être implémentés avec une méthode d'agrégation analogue à une méthode définie dans cette norme (par exemple un intervalle de temps 1 min, s'il est utilisé, devrait être implémenté en utilisant une méthode analogue à la méthode d'agrégation 10 min).

NOTE 3 Les Articles B.1 et B.2 décrivent quelques applications d'agrégation d'intervalles de temps.

#### - **Classe S**

Mêmes intervalles temporels que pour la classe A. La mesure sur 10/12 périodes doit être resynchronisée comme décrit dans la Figure 3 et la Figure 4.

#### - **Classe B**

Le constructeur doit spécifier le nombre et la durée d'agrégation des intervalles de temps.

### 4.5 Processus d'agrégation des mesures

#### 4.5.1 Exigences

Les agrégations doivent être calculées par la racine carrée de la moyenne arithmétique du carré des valeurs d'entrée.

NOTE Pour la mesure du papillotement, l'algorithme d'agrégation est différent (voir CEI 61000-4-15).

#### 4.5.2 Agrégation sur 150/180 périodes

##### - **Classe A**

Les données de l'intervalle de 150/180 périodes doivent être agrégées sans discontinuité à partir de quinze intervalles de 10/12 périodes.

L'intervalle temporel de 150/180 périodes est resynchronisé toutes les impulsions de 10 min comme indiqué à la Figure 2.

Lorsqu'une impulsion de 10 min se produit, un nouvel intervalle temporel de 150/180 périodes commence, et l'intervalle temporel en cours de 150/180 périodes se poursuit jusqu'à ce qu'il soit complété. Ceci peut engendrer un recouvrement entre ces deux intervalles de 150/180 périodes (recouvrement 2 dans la Figure 2).

##### - **Classe S**

Les données de l'intervalle de 150/180 périodes doivent être agrégées à partir des intervalles de 10/12 périodes. La resynchronisation avec les impulsions de 10 min est autorisée mais n'est pas exigée. (Voir la Figure 3).

Les discontinuités sont autorisées mais non exigées pour les harmoniques, les interharmoniques, les tensions de transmissions de signaux et le déséquilibre. Un minimum de trois intervalles de 10/12 périodes doit être utilisé tous les intervalles temporels de 150/180 périodes, par ailleurs au moins un intervalle de 10/12 périodes doit être utilisé toutes les 50/60 périodes (voir la Figure 4). Pour tous les autres paramètres, les données de l'intervalle de 150/180 périodes doivent être agrégées sans discontinuité à partir des quinze intervalles de 10/12 périodes.

##### - **Classe B**

Le constructeur doit spécifier la méthode d'agrégation.

#### 4.5.3 Agrégation sur 10 min

##### - **Classe A**

Les valeurs agrégées sur 10 min seront identifiées avec une datation absolue (par exemple 01H10.00). La datation considérée correspond à une terminaison de période d'intégration 10 min.

Les données de l'intervalle de 10 min doivent être agrégées sans discontinuités à partir des intervalles temporels de 10/12 périodes.

Chaque intervalle de 10 min doit débuter sur une impulsion RTC de 10 min. L'impulsion de 10 min est aussi utilisée pour resynchroniser les intervalles de 10/12 périodes et les intervalles de 150/180 périodes. Se reporter à la Figure 2.

Le(s) intervalle(s) de 10/12 périodes pendant une période d'agrégation de 10 min présenteront vraisemblablement un recouvrement avec les impulsions d'horloge RTC de 10 min. Tous les intervalles de 10/12 périodes en recouvrement (recouvrement 1 dans la Figure 2) sont inclus dans l'agrégation de l'intervalle de 10 min précédent.

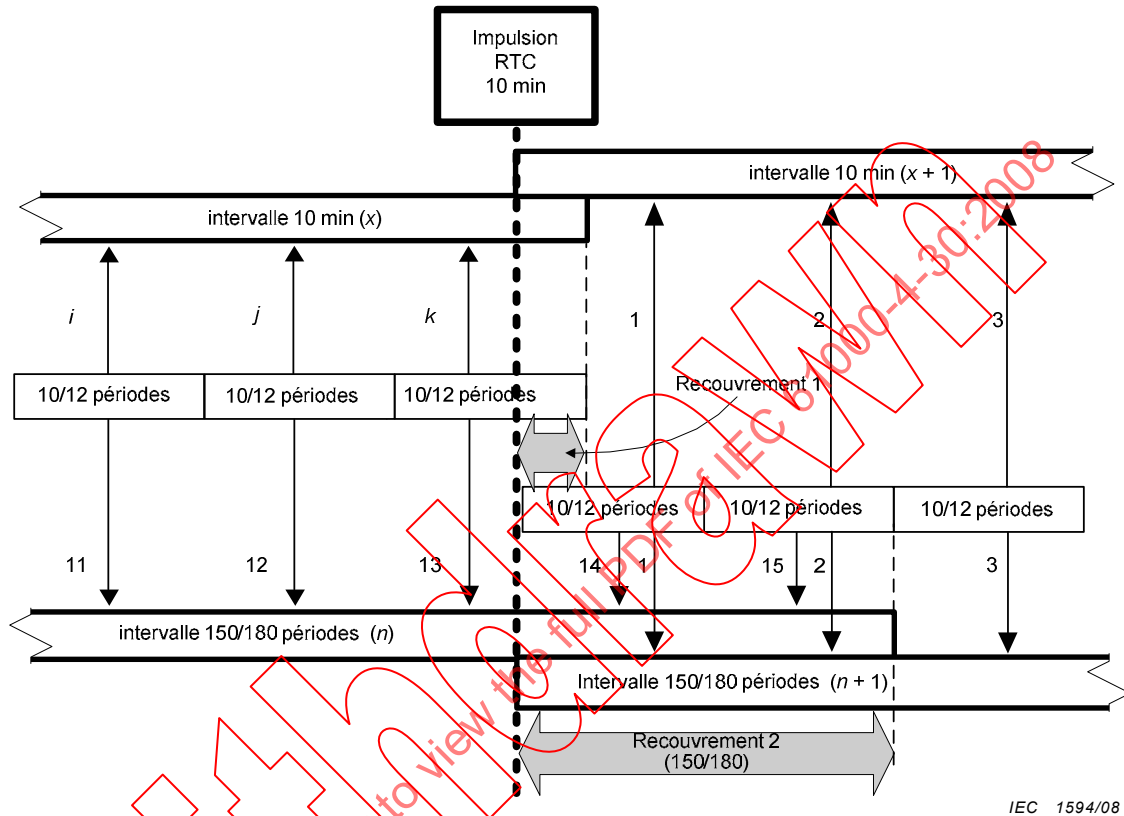


Figure 2 – Synchronisation des intervalles d'agrégation pour la classe A

#### – Classe S

La méthode d'agrégation sur 10 min utilisée pour la classe S doit être soit la méthode de la classe A soit la méthode simplifiée suivante.

Un nouvel intervalle de temps 10 minutes doit commencer après qu'une impulsion 10 min se soit produite, au commencement du prochain intervalle de temps 10/12 périodes.

Les données de l'intervalle de 10 min doivent être agrégées à partir des intervalles temporels de 10/12 périodes. Il n'y a pas de resynchronisation avec les impulsions de 10 min. Les intervalles de 10 min se déroulent indépendamment (les uns des autres).

Les valeurs agrégées sur 10 min seront identifiées avec une datation absolue. La datation considérée correspond à une terminaison d'intervalle 10 min.

Il n'y aura pas de recouvrement, ainsi qu'illustré aux Figure 3 et Figure 4.

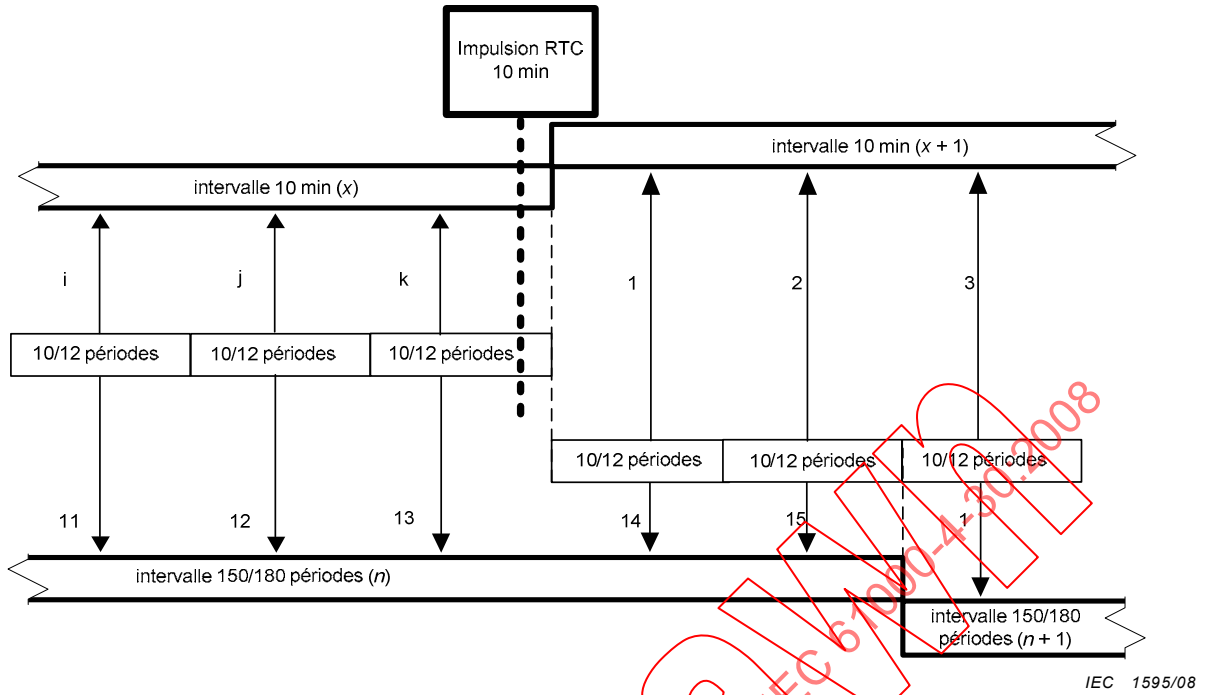
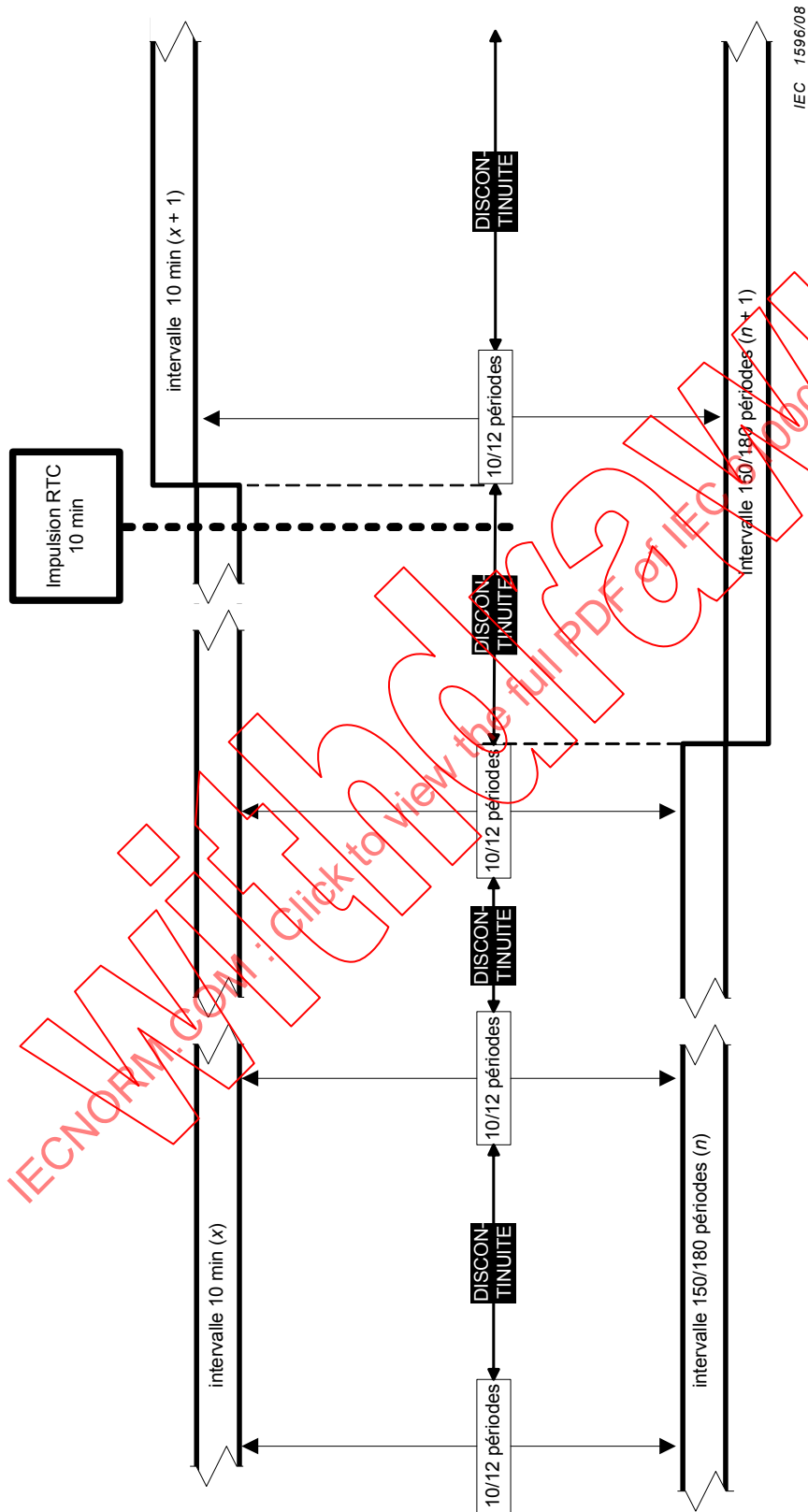


Figure 3 – Synchronisation des intervalles d'agrégation pour la classe S: paramètres pour lesquels les discontinuités ne sont pas autorisées



**Figure 4 – Synchronisation des intervalles d'agrégation pour la classe S: paramètres pour lesquels les discontinuités sont autorisées (voir 4.5.2)**

NOTE Il se peut que la fréquence secteur soit plus haute ou plus basse qu'attendue. Dans l'exemple de la Figure 3, la fréquence est plus basse qu'attendue, en conséquence l'intervalle 150/180 périodes se continue au-delà de l'impulsion 10 min. Dans l'exemple de la Figure 4, la fréquence est plus haute qu'attendue et/ou il y a des discontinuités, en conséquence l'intervalle 150/180 périodes se termine avant l'impulsion 10 min.

- **Classe B**

Le constructeur doit spécifier la méthode d'agrégation.

**4.5.4 Agrégation sur 2 heures**

- **Classe A**

Les données de l'intervalle de 2 h doivent être agrégées à partir de douze intervalles de 10 min. L'intervalle de 2 h ne doit pas présenter de discontinuité ni de recouvrement. Les intervalles 2 h commencent sur les intervalles de temps RTC 2 h qui sont pairs.

- **Classe S**

Identique à la classe A

- **Classe B**

Le constructeur doit spécifier la méthode d'agrégation.

**4.6 Incertitude d'horloge temps réel (RTC)**

L'incertitude d'horloge RTC est définie par rapport au Temps Universel Coordonné (UTC).

- **Classe A**

L'incertitude d'horloge RTC ne doit pas dépasser  $\pm 20$  ms pour 50 Hz ou  $\pm 16,7$  ms pour 60 Hz, indépendamment de la durée totale de l'intervalle. Ces performances sont par exemple obtenues par une procédure de synchronisation appliquée périodiquement au cours d'une campagne de mesures, ou via un récepteur GPS, ou encore par la réception de signaux de synchronisation transmis par radio. Lorsque la synchronisation par un signal externe devient indisponible, la tolérance de l'horloge RTC sur le marquage temporel doit être inférieure à  $\pm 1$  s par période de 24 h, cependant, cette exception n'affranchit pas de l'exigence de conformité avec la première partie de ce paragraphe.

NOTE Ces performances sont nécessaires pour que deux appareils de mesure utilisant des méthodes de classe A produisent les mêmes résultats agrégés sur 10 min et agrégés sur 2 h lorsqu'ils sont raccordés au même signal. Cette performance est également nécessaire quand il est requis d'utiliser simultanément plus d'un appareil utilisant des appareils de classe A placés éventuellement à des endroits différents.

- **Classe S**

L'incertitude d'horloge RTC ne doit pas excéder  $\pm 5$  s par période de 24 h.

- **Classe B**

Le constructeur doit spécifier l'incertitude d'horloge RTC et la méthode éventuelle de détermination des intervalles d'agrégation.

**4.7 Concept de "flagging" (marquage)**

Pendant un creux de tension, une surtension temporaire à fréquence industrielle ou une interruption, les algorithmes de mesure des autres paramètres (par exemple, mesure de variation de la fréquence) peuvent produire des valeurs douteuses. Le concept de marquage permet ainsi d'éviter de comptabiliser un événement donné plusieurs fois dans différents paramètres (par exemple compter un seul creux de tension d'une part comme un creux et d'autre part comme une variation de fréquence) et indique que la valeur donnée risque d'être douteuse.

Le marquage n'est déclenché que par les creux, les surtensions temporaires à fréquence industrielle et les coupures. La détection de creux et des surtensions temporaires à fréquence industrielle dépend du seuil défini par l'utilisateur, et ce choix peut influencer les données qui sont marquées.

Le concept de marquage est applicable à la classe A et à la classe S lors de la mesure de la fréquence, de l'amplitude de la tension, du papillotement, du déséquilibre de la tension d'alimentation, des harmoniques de tension, des interharmoniques de tension, de la transmission de signaux et de la mesure des paramètres de valeur basse et de valeur haute de la tension.

Si, pendant une période d'agrégation, une valeur est marquée, les valeurs agrégées, qui incluent cette valeur, seront également marquées. La valeur marquée doit être enregistrée et incluse également dans le processus d'intégration. Par exemple, si, pendant un intervalle temporel donné, une valeur est marquée, alors les valeurs agrégées qui incluent cette valeur, seront également marquées et enregistrées.

NOTE La marque peut être rendu disponible avec les données. L'utilisateur, l'application, l'autorité de régulation ou d'autres normes décident de l'utilisation des données marquées. Le fait que des données ont été marquées est une alerte indiquant que des problèmes sont possibles dans les données.

## 5 Paramètres de qualité de l'alimentation

### 5.1 Fréquence industrielle

#### 5.1.1 Méthode de mesure

##### - Classe A

L'indication de fréquence doit être obtenue toutes les 10 s. Du fait que la fréquence industrielle peut ne pas être exactement 50 Hz ou 60 Hz au cours de l'intervalle de temps d'horloge de 10 s, le nombre de périodes peut ne pas être un nombre entier. La mesure de la fréquence fondamentale est le rapport du nombre de périodes entières comptées au cours de l'intervalle de temps d'horloge de 10 s divisé par la durée cumulée des périodes entières. Avant chaque évaluation, les harmoniques et interharmoniques doivent être atténués afin de minimiser les effets de multiples passages par zéro.

Les intervalles de temps de mesure ne doivent pas se recouvrir. Les périodes individuelles chevauchant temporellement la frontière d'un intervalle 10 s sont rejetées. Chaque intervalle de 10 s doit commencer sur un top 10 s d'horloge, avec l'incertitude définie conformément à 4.6.

D'autres techniques permettant d'obtenir des résultats équivalents, telles que la convolution, sont acceptables.

##### - Classe S

Identique à la classe A.

##### - Classe B

Le constructeur doit indiquer le processus utilisé pour la mesure de fréquence.

#### 5.1.2 Incertitude de mesure et plage de mesure

##### - Classe A

Dans les conditions décrites en 6.1, l'incertitude de mesure ne doit pas excéder  $\pm 10$  mHz sur les plages de mesure 42,5 Hz ~ 57,5 Hz / 51 Hz ~ 69 Hz.

##### - Classe S

Dans les conditions décrites en 6.1, l'incertitude de mesure de doit pas excéder  $\pm 50$  mHz sur les plages de mesure 42,5 Hz ~ 57,5 Hz / 51 Hz ~ 69 Hz.

##### - Classe B

Le constructeur doit spécifier l'incertitude sur les plages de mesure 42,5 Hz ~ 57,5 Hz / 51 Hz ~ 69 Hz.

#### 5.1.3 Évaluation des mesures

##### - Classe A

La mesure de fréquence doit être faite sur la voie de référence.

NOTE Le constructeur doit spécifier le comportement de la mesure de fréquence en cas de perte de tension sur la voie de référence.

##### - Classe S

Identique à la classe A.

- **Classe B**

Le constructeur doit indiquer le processus utilisé pour la mesure de fréquence.

**5.1.4 Agrégation**

L'agrégation n'est pas exigée.

**5.2 Amplitude de la tension d'alimentation**

**5.2.1 Méthode de mesure**

- **Classe A**

La mesure doit être la valeur efficace de l'amplitude de la tension sur un intervalle de temps de 10 périodes pour les réseaux 50 Hz ou sur un intervalle de temps de 12 périodes pour les réseaux 60 Hz. Les intervalles de 10/12 périodes doivent être contigus et ne pas présenter de recouvrement avec l'intervalle de 10/12 périodes adjacent, excepté comme indiqué sur le recouvrement 1 de la Figure 2.

NOTE 1 Cette méthode de mesure particulière est utilisée pour les signaux quasi stationnaires et ne l'est pas pour la détection et la mesure des perturbations: creux, surtensions temporaires à fréquence industrielle, coupures et transitoires de tension.

NOTE 2 La valeur efficace comprend par définition les harmoniques, les interharmoniques, les signaux de télécommande centralisée, etc.

- **Classe S**

Identique à la classe A.

- **Classe B**

La mesure doit être la valeur efficace de la tension sur une période spécifiée par le constructeur.

**5.2.2 Incertitude de mesure et plage de mesure**

- **Classe A**

Dans les conditions décrites en 6.1, l'incertitude de mesure ne doit pas dépasser  $\pm 0,1$  % de  $U_{din}$ , sur la plage de 10 % ~ 150 % de  $U_{din}$ .

- **Classe S**

Dans les conditions décrites en 6.1, l'incertitude de mesure ne doit pas dépasser  $\pm 0,5$  % de  $U_{din}$ , sur la plage de 20 % ~ 120 % de  $U_{din}$ .

- **Classe B**

Dans les conditions décrites en 6.1, l'incertitude de mesure doit être spécifiée par le constructeur, de telle sorte à ne pas dépasser  $\pm 1$  % de  $U_{din}$  sur une plage spécifiée par le constructeur.

**5.2.3 Évaluation des mesures**

Pas d'exigences.

**5.2.4 Agrégation:**

L'agrégation doit être réalisée conformément à 4.4 et 4.5.

**5.3 Papillotement («flicker»)**

**5.3.1 Méthode de mesure**

- **Classe A**

La CEI 61000-4-15 s'applique.

- **Classe S**

La CEI 61000-4-15 s'applique.

**- Classe B**

Non applicable.

NOTE Dans la CEI 61000-4-15, les mesures sont définies uniquement à 120 V / 60 Hz, et 230 V / 50 Hz. Actuellement, l'extension de la définition du papillotement à d'autres tensions est à l'étude.

**5.3.2 Incertitude de mesure et plage de mesure****- Classe A**

Voir la CEI 61000-4-15. Dans les conditions décrites en 6.1, l'incertitude de mesure exigée par la 61000-4-15 doit être satisfaite sur la plage de mesure de  $0,2 \sim 10 P_{st}$ .

**- Classe S**

Voir la CEI 61000-4-15. Dans les conditions décrites en 6.1, deux fois l'incertitude de mesure exigée par la CEI 61000-4-15 doit être satisfaite sur la plage de mesure de  $0,4 \sim 4 P_{st}$ .

**- Classe B**

Non applicable.

**5.3.3 Évaluation des mesures****- Classe A**

La CEI 61000-4-15 s'applique.

L'intervalle de temps de 10 min pour le  $P_{st}$  doit commencer sur une impulsion RTC de 10 min et doit être enregistré avec la datation absolue (voir 4.5.3).

Les creux de tension, les surtensions temporelles et les coupures doivent entraîner un marquage des valeurs de sortie du  $P_{st}$  et du  $P_{it}$  (voir CEI 61000-4-15).

**- Classe S**

Identique à la classe A.

**- Classe B**

Non applicable.

**5.3.4 Agrégation****- Classe A**

L'agrégation doit être réalisée conformément à la CEI 61000-4-15. Pour le  $P_{it}$ , l'agrégation doit être réalisée conformément à la CEI 61000-4-15 pour les intervalles 2 h, suivant l'Article 4.5.4 de la présente norme.

**- Classe S**

Identique à la classe A.

**- Classe B**

Non applicable.

**5.4 Creux de la tension d'alimentation et surtensions temporaires à fréquence industrielle****5.4.1 Méthode de mesure****- Classe A**

La mesure de base  $U_{eff}$  des creux de tension et des surtensions temporaires à fréquence industrielle doit être la mesure de  $U_{eff(1/2)}$  sur chaque voie de mesure (voir 3.24).

La durée de la période pour  $U_{eff(1/2)}$  dépend de la fréquence. La fréquence peut être déterminée par la dernière mesure de fréquence non «marquée» (voir 4.7 et 5.1) ou par toute autre méthode assurant le niveau d'incertitude spécifié à l'Article 6.2.

NOTE 1 La valeur  $U_{eff(1/2)}$  inclut par définition les harmoniques, les interharmoniques, les tensions de transmission des signaux, etc.

### – Classe S

La mesure de base  $U_{\text{eff}}$  des creux de tension et des surtensions à fréquence industrielle doit être la mesure de  $U_{\text{eff}(1/2)}$  sur chaque voie de mesure (voir 3.24) ou la mesure de  $U_{\text{eff}(1)}$  sur chaque voie de mesure (voir 3.25). Le constructeur doit spécifier quelle mesure est utilisée.

NOTE 2 La valeur  $U_{\text{eff}(1)}$  inclut par définition les harmoniques, les interharmoniques, les tensions de transmission des signaux, etc.

### – Classe B

Le constructeur doit spécifier la méthode utilisée pour  $U_{\text{eff}}$ .

## 5.4.2 Détection et évaluation d'un creux de tension

### 5.4.2.1 Détection d'un creux de tension

Le seuil de creux de tension est un pourcentage soit de  $U_{\text{din}}$  soit de la référence de tension glissante  $U_{\text{rg}}$  (voir 5.4.4). La sélection d'une tension de référence fixe ou glissante doit être déclarée par l'utilisateur.

NOTE La référence de tension glissante  $U_{\text{rg}}$  n'est en général pas utilisée dans les réseaux basse tension. Voir la CEI 61000-2-8 pour plus d'informations et de conseils.

- Dans les systèmes monophasés, un creux de tension commence lorsque la tension  $U_{\text{eff}}$  tombe en dessous du seuil de creux, et se termine lorsque la tension  $U_{\text{eff}}$  est égale ou supérieure au seuil de creux plus la tension d'hystérésis.
- Dans les systèmes polyphasés, un creux commence lorsque la tension  $U_{\text{eff}}$  d'une ou plusieurs voies tombe en dessous du seuil de creux et se termine lorsque la tension  $U_{\text{eff}}$  sur toutes les voies mesurées est égale ou supérieure au seuil de creux plus la tension d'hystérésis.

Le seuil de creux et la tension d'hystérésis sont tous deux déterminés par l'utilisateur en fonction de l'utilisation.

### 5.4.2.2 Évaluation d'un creux de tension

Un creux de tension est caractérisé par une paire de données: la tension résiduelle ( $U_{\text{res}}$ ) ou la profondeur d'une part et la durée d'autre part:

- la tension résiduelle est la plus petite valeur de  $U_{\text{eff}}$  mesurée sur n'importe quelle voie au cours du creux;
- la profondeur d'un creux de tension est la différence entre la tension de référence ( $U_{\text{din}}$  ou  $U_{\text{rg}}$ ) et la tension résiduelle. Elle s'exprime en général en pourcentage de la tension de référence;

L'instant de début d'un creux doit être horodaté avec l'heure de fin de  $U_{\text{eff}}$  de la voie à l'origine de l'événement et l'instant de fin du creux doit être horodaté avec l'heure de fin de la valeur  $U_{\text{eff}}$  qui a terminé l'événement, tel que défini par le seuil plus l'hystérésis.

La durée d'un creux de tension est la différence de temps entre l'instant de début et l'instant de fin du creux de tension.

NOTE 1 Pour les mesures polyphasées, la mesure de la durée du creux peut commencer sur une voie et se terminer sur une voie différente.

NOTE 2 L'enveloppe des creux de tension peut ne pas être rectangulaire. En conséquence, pour un creux de tension donné, la durée mesurée dépend de la valeur de seuil de creux sélectionnée. La forme de l'enveloppe peut être évaluée au moyen de plusieurs seuils de creux dans la plage de détection des seuils de creux de tension et de coupure de tension.

NOTE 3 L'hystérésis est en général égale à 2 % de  $U_{\text{din}}$ .

NOTE 4 Les seuils de creux sont généralement dans la plage de 85 % à 90 % de la référence de tension fixe pour des applications de recherche de pannes ou statistiques.

NOTE 5 La tension résiduelle est souvent utilisée par l'utilisateur final, et est préférée car elle est référencée par rapport à zéro volt. A contrario, la profondeur est souvent utilisée par les opérateurs de réseau d'électricité, en particulier dans les réseaux à haute tension ou en cas d'utilisation de la référence glissante de tension.

NOTE 6 Un saut de phase peut se produire pendant un creux de tension. Voir A.7.5.

NOTE 7 Lorsqu'un seuil est franchi, un horodatage peut être enregistré.

### 5.4.3 Détection et évaluation d'une surtension temporaire à fréquence industrielle

#### 5.4.3.1 Détection d'une surtension temporaire à fréquence industrielle

Le seuil de détection est un pourcentage soit de  $U_{din}$  soit de la référence de tension glissante  $U_{rg}$  (voir paragraphe 5.4.4). La sélection d'une tension de référence fixe ou glissante doit être déclarée par l'utilisateur.

NOTE La référence de tension glissante  $U_{rg}$  n'est en général pas utilisée dans les réseaux basse tension. Voir la CEI 61000-2-8 pour plus d'informations et de conseils.

- Sur les systèmes monophasés, une surtension temporaire à fréquence industrielle commence lorsque la tension  $U_{eff}$  s'élève au-dessus du seuil de surtension temporaire à fréquence industrielle, et se termine lorsque la tension  $U_{eff}$  est égale ou inférieure au seuil de surtension temporaire à fréquence industrielle moins la tension d'hystérésis.
- Dans les systèmes polyphasés, une surtension temporaire à fréquence industrielle commence lorsque la tension  $U_{eff}$  d'une ou plusieurs voies passe au dessus du seuil de surtension et se termine lorsque la tension  $U_{eff}$  sur toutes les voies mesurées est égale ou supérieure au seuil de surtension moins la tension d'hystérésis.

Le seuil de surtension temporaire à fréquence industrielle et la tension d'hystérésis sont tous deux déterminés par l'utilisateur en fonction de l'utilisation.

#### 5.4.3.2 Évaluation d'une surtension temporaire à fréquence industrielle

Une surtension temporaire à fréquence industrielle est caractérisée par une paire de données: Amplitude maximale de la tension de surtension, et sa durée.

- La tension maximale de surtension temporaire à fréquence industrielle est la plus grande valeur de  $U_{eff}$  mesurée sur n'importe quelle voie pendant la surtension temporaire à fréquence industrielle;
- L'instant de début d'une surtension doit être horodaté avec l'heure de fin de  $U_{eff}$  de la voie à l'origine de l'événement et l'instant de fin de la surtension doit être horodaté avec l'heure de fin de la valeur  $U_{eff}$  qui a terminé l'événement, tel que défini par le seuil moins l'hystérésis.
- La durée d'une surtension temporaire à fréquence industrielle est la différence de temps entre le début et la fin de la surtension temporaire à fréquence industrielle.

NOTE 1 Pour les mesures polyphasées, la mesure de la durée de la surtension temporaire à fréquence industrielle peut commencer sur une voie et se terminer sur une voie différente.

NOTE 2 L'enveloppe d'une surtension temporaire à fréquence industrielle peut ne pas être rectangulaire. En conséquence, pour une surtension temporaire à fréquence industrielle donnée, la durée mesurée dépend de la valeur du seuil de surtension temporaire à fréquence industrielle.

NOTE 3 L'hystérésis est en général égale à 2 % de  $U_{din}$ .

NOTE 4 Le seuil de surtension temporaire à fréquence industrielle est en général supérieur ou égal à 110 % de  $U_{din}$ .

NOTE 5 Un saut de phase peut se produire pendant une surtension temporaire à fréquence industrielle.

NOTE 6 Lorsqu'un seuil est franchi, un horodatage peut être enregistré.

#### 5.4.4 Calcul de la tension de référence glissante

L'implémentation de la tension de référence glissante est optionnelle et n'est pas exigée. Si une référence glissante est choisie pour détecter les creux de tension et les surtensions temporaires à fréquence industrielle, elle doit être calculée au moyen d'un filtre du premier ordre avec une constante de temps de 1 min. Ce filtre est donné par:

$$U_{rg(n)} = 0,996\ 7 \times U_{rg(n-1)} + 0,003\ 3 \times U_{(10/12)eff}$$

où

$U_{rg(n)}$  est la valeur courante de la tension de référence glissante;

$U_{rg(n-1)}$  est la valeur précédente de la tension de référence glissante; et

$U_{(10/12)eff}$  est la valeur efficace 10/12 périodes la plus récente.

Au début de la mesure, la valeur initiale de la tension de référence glissante est fixée à la tension d'entrée déclarée. La tension de référence glissante est mise à jour tous les 10/12 périodes. Si une valeur sur 10/12 périodes est «marquée», la tension de référence glissante n'est pas mise à jour et la valeur précédente est utilisée.

#### 5.4.5 Incertitude de mesure et plage de mesure

##### 5.4.5.1 Incertitude des mesures de la tension résiduelle et de la tension de surtension temporaire à fréquence industrielle

###### - Classe A

L'incertitude de mesure ne doit pas dépasser  $\pm 0,2\%$  de  $U_{din}$ .

###### - Classe S

L'incertitude de mesure ne doit pas dépasser  $\pm 1,0\%$  de  $U_{din}$ .

###### - Classe B

Le constructeur doit spécifier l'incertitude, qui ne doit pas excéder  $\pm 2,0\%$  de  $U_{din}$ .

##### 5.4.5.2 Incertitude des mesures de durée

###### - Classe A

L'incertitude sur la durée d'un creux ou d'une surtension temporaire à fréquence industrielle est égale à l'incertitude sur le début du creux ou de la surtension temporaire à fréquence industrielle (demi-période) plus l'incertitude sur la fin du creux ou de la surtension temporaire à fréquence industrielle (demi-période).

###### - Classe S

Si  $U_{eff(1/2)}$  est utilisé, alors l'incertitude sur la durée d'un creux ou d'une surtension temporaire à fréquence industrielle est égale à l'incertitude sur le début du creux ou de la surtension temporaire à fréquence industrielle (demi-période) plus l'incertitude sur la fin du creux ou de la surtension temporaire à fréquence industrielle (demi-période). Si  $U_{eff(1)}$  est utilisé, alors l'incertitude sur la durée d'un creux ou d'une surtension temporaire à fréquence industrielle est égale à l'incertitude sur le début du creux ou de la surtension temporaire à fréquence industrielle (une période) plus l'incertitude sur la fin du creux ou de la surtension temporaire à fréquence industrielle (une période).

###### - Classe B

Le constructeur doit spécifier l'incertitude sur la mesure de durée.

#### 5.4.6 Agrégation

L'agrégation n'est pas applicable aux événements déclenchés.

## 5.5 Coupures de la tension d'alimentation

### 5.5.1 Méthode de mesure

La mesure de base de la tension doit être telle que définie en 5.4.1 pour chacune des classes.

### 5.5.2 Évaluation d'une coupure de tension

Sur les systèmes monophasés, une coupure de tension commence lorsque la tension  $U_{\text{eff}}$  est en dessous du seuil de coupure de tension et se termine lorsque la valeur de  $U_{\text{eff}}$  est égale ou supérieure au seuil de coupure de tension plus l'hystérésis.

Sur les systèmes polyphasés, une coupure de tension commence lorsque la tension  $U_{\text{eff}}$  de toutes les voies est en dessous du seuil de coupure de tension et se termine lorsque la tension  $U_{\text{eff}}$  de n'importe quelle voie est égale ou supérieure au seuil de coupure de tension plus l'hystérésis.

Le seuil de coupure de tension et la tension d'hystérésis sont fixés par l'utilisateur en fonction de l'utilisation. Le seuil de coupure de tension ne doit pas être fixé en dessous de l'incertitude de la mesure de la tension résiduelle plus la valeur de l'hystérésis. En général, l'hystérésis est égale à 2 % de  $U_{\text{din}}$ .

L'instant de début d'une coupure de tension doit être horodaté avec l'heure de fin de  $U_{\text{eff}}$  de la voie à l'origine de l'événement et l'instant de fin de la coupure de tension doit être horodaté avec l'heure de fin de la valeur  $U_{\text{eff}}$  qui a terminé l'événement, tel que défini par le seuil plus l'hystérésis.

La durée d'une coupure de tension est la différence de temps entre le début et la fin d'une coupure de tension.

NOTE 1 Le seuil de coupure de tension peut par exemple être fixé à 5 % de  $U_{\text{din}}$  ou à 10% de  $U_{\text{din}}$

NOTE 2 La définition VET 161-08-20 considère qu'une coupure se produit lorsque la valeur de la tension est inférieure à 1 % de la tension nominale. Cependant, il est difficile de mesurer correctement des tensions inférieures à 1% de la tension nominale. En conséquence, la norme recommande que l'utilisateur fixe un seuil approprié de coupure de tension.

NOTE 3 La coupure d'une ou plusieurs phases d'un système polyphasé peut être considéré comme une coupure de l'alimentation, chez les clients monophasés raccordés à ce système même si cela n'est pas répertorié comme une coupure dans une mesure polyphasée.

### 5.5.3 Incertitude de mesure et plage de mesure

Pour l'incertitude de mesure sur la durée voir le paragraphe 5.4.5.2.

### 5.5.4 Agrégation

L'agrégation n'est pas applicable aux événements déclenchés.

## 5.6 Tensions transitoires

L'Article A.4 donne des informations sur les paramètres importants nécessaires à la caractérisation des tensions et courants transitoires.

## 5.7 Déséquilibre de la tension d'alimentation

### 5.7.1 Méthode de mesure

Les mesures de déséquilibre s'appliquent uniquement aux systèmes triphasés.

**- Classe A**

Le déséquilibre de la tension d'alimentation est évalué par la méthode des composantes symétriques. En plus de la composante directe  $U_1$ , en cas de déséquilibre s'ajoute au moins une des composantes suivantes: la composante inverse  $U_2$  et/ou la composante homopolaire  $U_0$ .

La composante fondamentale de la valeur des tensions d'entrée est mesurée sur un intervalle de temps de 10 périodes pour les réseaux 50 Hz ou sur un intervalle de temps de 12 périodes pour les réseaux 60 Hz.

NOTE 1 L'effet des harmoniques est atténué en utilisant un filtre ou algorithme de FFT.

NOTE 2 Les algorithmes qui utilisent uniquement les valeurs efficaces pour calculer le déséquilibre échouent dans la prise en compte des contributions des décalages angulaires au déséquilibre, et sont la cause de résultat imprévisibles lorsque des tensions harmoniques sont présentes. La composante inverse du déséquilibre ainsi que la composante homopolaire du déséquilibre fournissent des valeurs plus précises et plus facilement utilisables.

La composante inverse  $u_2$  est évaluée sous forme d'un pourcentage et se calcule par:

$$u_2 = \frac{U_2}{U_1} \times 100 = \frac{\text{tension inverse}}{\text{tension directe}} \times 100 \quad (1)$$

Pour les systèmes triphasés, en considérant uniquement les tensions entre phases et uniquement les tensions fondamentales, ceci peut s'écrire (avec  $U_{ij \text{ fund}}$  = tension fondamentale entre phase  $i$  et phase  $j$ ):

$$u_2 = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{3 - 6\beta}}{1 + \sqrt{3 - 6\beta}}} \times 100 \text{ où } \beta = \frac{U_{12 \text{ fund}}^4 + U_{23 \text{ fund}}^4 + U_{31 \text{ fund}}^4}{(U_{12 \text{ fund}}^2 + U_{23 \text{ fund}}^2 + U_{31 \text{ fund}}^2)^2} \quad (2)$$

La composante homopolaire  $u_0$  est évaluée sous forme d'un pourcentage et se calcule par:

$$u_0 = \frac{U_0}{U_1} \times 100 = \frac{\text{tension homopolaire}}{\text{tension directe}} \times 100 \quad (3)$$

NOTE 3 La composante homopolaire du déséquilibre est nulle par définition lors de mesures de tension entre phases. Cependant les tensions phase-neutre ou phase-terre peuvent contenir une composante homopolaire dans ce cas.

**- Classe S**

Le taux de composante inverse est évalué de la même manière que pour la classe A. L'évaluation de la composante homopolaire est optionnel, non obligatoire.

**- Classe B**

Le fabricant doit spécifier les algorithmes et méthodes utilisés pour calculer le déséquilibre.

**5.7.2 Incertitude de mesure et plage de mesure**

**- Classe A**

Lorsqu'une tension alternative triphasée répondant aux conditions «conditions d'essai 1» (voir Tableau 2), sauf pour les deux composantes inverse et homopolaire dans la plage de mesure de 1 % à 5 % de  $U_1$  est appliquée à l'entrée, l'appareil de mesure doit présenter une incertitude inférieure à  $\pm 0,15$  % à la fois pour  $u_2$  et  $u_0$ . Par exemple, un appareil de mesure soumis à une composante inverse de 1,0 % doit fournir une indication  $x$  telle que  $0,85 \% \leq x \leq 1,15 \%$ . Se reporter à la Figure 5.

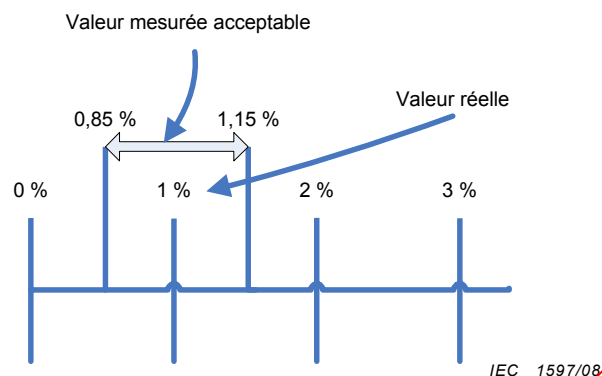


Figure 5 – Exemple d'incertitude de déséquilibre de tension d'alimentation

#### – Classe S

Identique à la classe A, sauf pour l'incertitude de mesure qui est moins que  $\pm 0,3\%$  pour  $u_2$  (et pour  $u_0$  s'il est mesuré).

#### – Classe B

Identique à la classe A sauf pour l'incertitude qui doit être inférieure à  $\pm 0,3\%$  pour tout paramètre de déséquilibre qui est mesuré.

### 5.7.3 Évaluation des mesures

Pas d'exigences.

NOTE L'incertitude des transformateurs de mesure, s'ils sont présents, peut avoir un impact considérable sur le calcul du déséquilibre.

### 5.7.4 Agrégation

L'agrégation doit être réalisée conformément aux 4.4 et 4.5.

## 5.8 Harmoniques de tension

### 5.8.1 Méthode de mesure

#### – Classe A

La mesure de base des harmoniques de tension pour la classe A est définie dans la CEI 61000-4-7 classe I. Cette norme doit être utilisée pour déterminer une mesure de sous-groupe d'harmoniques sans discontinuité sur 10/12 périodes, appelé  $U_{sg,h}$  dans la CEI 61000-4-7.

NOTE 1 D'autres méthodes, y compris des méthodes analogiques et du domaine harmonique, peuvent être préférables dans certains cas (voir par exemple la CEI 61000-3-8.)

NOTE 2 Les mesures d'harmoniques de courant sont traitées à l'Article A.6.

Les mesures doivent être réalisées au moins jusqu'au rang 50.

Si la distorsion harmonique totale est calculée, alors elle doit être calculée comme la distorsion du sous groupe harmonique total (THDS) définie dans la CEI 61000-4-7.

#### – Classe S

La mesure de base des harmoniques en tension, pour la classe S, est définie dans la CEI 61000-4-7 classe II. Les discontinuités sont autorisées (voir 4.5). Le constructeur doit choisir soit un groupe harmonique de 10/12 périodes, dénoté  $U_{g,h}$  dans la CEI 61000-4-7, ou une mesure de sous groupe de 10/12 périodes, dénotée  $U_{sg,h}$  dans la CEI 61000-4-7. Le constructeur doit spécifier quelle option il a retenue.

Les mesures doivent être réalisées au moins jusqu'au rang 40.

NOTE 3 L'EN 50160 exige le rang 40.

Si la distorsion harmonique totale est calculée, alors elle doit être calculée soit comme la distorsion harmonique totale (*THD*) si  $U_{g,h}$  est sélectionné, ou comme la distorsion harmonique totale de sous-groupe (*THDS*) si  $U_{sg,h}$  est sélectionné, les deux étant définis dans la CEI 61000-4-7.

– **Classe B**

Le constructeur doit spécifier la méthode de mesure.

**5.8.2 Incertitude de mesure et plage de mesure**

– **Classe A**

L'incertitude maximale doit être celle des niveaux spécifiés dans la CEI 61000-4-7 classe I.

La plage de mesure doit être entre 10 % et 200 % du niveau de compatibilité de la classe 3 de la CEI 61000-2-4.

– **Classe S**

L'incertitude maximale doit être deux fois celle des niveaux spécifiés dans la CEI 61000-4-7 classe II. Le filtre passe-bas anti-repliement spécifié dans le 5.3 de la CEI 61000-4-7 doit être optionnel. L'erreur maximale permise de  $\pm 0,03$  % pour l'exigence de durée entre fronts montants ainsi que spécifié dans le 4.4.1 de la CEI 61000-4-7 doit être optionnelle, mais l'exigence d'incertitude maximale doit cependant être satisfaite sur la plage des grandeurs d'influence spécifiées à l'Article 6 de la présente norme.

La plage de mesure doit être entre 10 % et 100 % du niveau de compatibilité de la classe 3 de la CEI 61000-2-4.

– **Classe B**

Le constructeur doit spécifier l'incertitude de mesure et la plage de mesure.

**5.8.3 Évaluation des mesures**

Pas d'exigences.

**5.8.4 Agrégation**

L'agrégation doit être réalisée conformément aux 4.4 et 4.5.

**5.9 Interharmoniques de tension**

**5.9.1 Méthode de mesure**

– **Classe A**

Pour les besoins de la présente norme, on applique la définition de la mesure des interharmoniques de tension donnée dans la CEI 61000-4-7 classe I. Cette norme doit être utilisée pour déterminer une mesure de sous-groupe d'interharmoniques centrés et sans discontinuité de 10/12 périodes, appelés  $U_{isg,h}$  dans la CEI 61000-4-7.

NOTE Les mesures d'interharmoniques de courant sont traitées à l'Article A.6.

Les mesures doivent être réalisées au moins jusqu'au rang 50.

– **Classe S**

Le constructeur doit spécifier la méthode de mesure.

– **Classe B**

Le constructeur doit spécifier la méthode de mesure.

**5.9.2 Incertitude de mesure et plage de mesure**

– **Classe A**

L'incertitude maximale doit être celle des niveaux spécifiés dans la CEI 61000-4-7 classe I.

La plage de mesure doit être entre 10 % et 200 % du niveau de compatibilité de la classe 3 de la CEI 61000-2-4.

– **Classe S**

Le constructeur doit spécifier l'incertitude et la plage de mesure.

– **Classe B**

Le constructeur doit spécifier l'incertitude de mesure et la plage de mesure.

### 5.9.3 Evaluation des mesures

Pas d'exigences.

### 5.9.4 Agrégation

L'agrégation doit être réalisée conformément aux 4.4 et 4.5.

### 5.10 Tension de transmission de signaux

La tension de transmission des signaux, appelés "signaux de télécommande centralisée" dans certaines applications est une salve de signaux, souvent à des fréquences non harmoniques, qui commande à distance un équipement industriel, des compteurs et autres équipements.

#### 5.10.1 Méthode de mesure

– **Classe A**

La méthode décrite ici doit être utilisée pour les fréquences de télécommande inférieures à 3 kHz. Pour les fréquences de télécommande supérieures à 3 kHz, voir la CEI 61000-3-8.

Cette méthode mesure l'amplitude d'un signal de télécommande centralisée dont la fréquence est connue.

NOTE Le but de cette mesure est de vérifier la valeur maximale du signal et pas de diagnostiquer des anomalies de fonctionnement du système de télécommande.

La mesure de la tension du signal doit être basée sur:

- soit, en valeur efficace, la raie d'interharmoniques correspondante sur 10/12 périodes;
- soit la racine de la somme des carrés des valeurs efficaces sur 10/12 périodes des quatre raies d'interharmoniques les plus proches (par exemple, un signal de télécommande centralisée à 316,67 Hz sur un réseau 50 Hz doit être approché par la racine de la somme des carrés des raies à 310 Hz, 315 Hz, 320 Hz et 325 Hz, fournies par la FFT effectuée sur un intervalle de temps de 10/12 périodes).

La première méthode doit être préférée si la fréquence spécifiée par l'utilisateur est au centre d'une raie de FFT. La seconde méthode doit être préférée si la fréquence n'est pas au centre d'une raie.

L'utilisateur doit sélectionner un seuil de détection supérieur à 0,3% de  $U_{\text{din}}$  ainsi que la durée de la période d'enregistrement jusqu'à 120 s. Le début de l'émission du signal doit être détectée lorsque la valeur mesurée de l'interharmonique concernée dépasse le seuil de détection. Les valeurs mesurées sont enregistrées pendant une durée spécifiée par l'utilisateur afin de donner le niveau maximal du signal.

– **Classe S**

Le constructeur doit spécifier la technique de mesure.

– **Classe B**

Le constructeur doit spécifier la technique de mesure.

### 5.10.2 Incertitude de mesure et plage de mesure

#### - Classe A

La plage de mesure doit être au minimum entre 0 % et 15 % de  $U_{din}$ .

Pour les signaux de transmission entre 3 % et 15 % de  $U_{din}$ , l'incertitude ne doit pas dépasser  $\pm 5\%$  de la valeur mesurée. Pour les signaux de transmission entre 1 % et 3 % de  $U_{din}$ , l'incertitude ne doit pas dépasser  $\pm 0,15\%$  de  $U_{din}$ . Pour les signaux de transmission inférieurs à 1 % de  $U_{din}$ , aucune exigence d'incertitude n'est donnée.

#### - Classe S

Le constructeur doit spécifier l'incertitude et la plage de mesure.

#### - Classe B

Le constructeur doit spécifier l'incertitude et la plage de mesure.

### 5.10.3 Evaluation des mesures

Pas d'exigences

### 5.10.4 Agrégation

L'agrégation n'est pas exigée.

### 5.11 Variations rapides de tension (RVC)

NOTE L'Article A.5 donne des informations sur les paramètres importants nécessaires pour caractériser une variation rapide de tension. Des informations complémentaires concernant les charges sur les réseaux basse tension peuvent être trouvées dans la CEI 61000-3-3 et dans la CEI 61000-3-11. Ces informations complémentaires ne sont pas nécessairement applicables aux réseaux eux-mêmes.

### 5.12 Mesure des paramètres de «valeur basse» et de «valeur haute» de la tension («tension haute» et de «tension basse»)

#### 5.12.1 Méthode de mesure

##### - Classe A

La valeur efficace sur 10/12 périodes  $U_{eff-200ms}$  doit être utilisée pour évaluer les paramètres de «tension haute» et de «tension basse» en pourcentage de  $U_{din}$ . Les paramètres de «tension basse»  $U_{eff-basse}$  et de «tension haute»  $U_{eff-haute}$  sont déterminés par les équations (4A), (4B), (5A), (5B), (6) et (7).

Evaluation des "tensions basses" :

La règle (4) suivante s'applique pour le calcul de  $U_{eff-basse,i}$  :

$$\text{Si } U_{eff-200ms,i} > U_{din} \text{ alors } U_{eff-basse,i} = U_{din} \tag{4A}$$

$$\text{Si } U_{eff-200ms,i} \leq U_{din} \text{ alors } U_{eff-basse,i} = U_{eff-200ms,i} \tag{4B}$$

Evaluation des "tensions hautes" :

La règle (5) suivante s'applique pour le calcul de  $U_{eff-haute,i}$  :

$$\text{Si } U_{eff-200ms,i} < U_{din} \text{ alors } U_{eff-haute,i} = U_{din} \tag{5A}$$

$$\text{Si } U_{eff-200ms,i} \geq U_{din} \text{ alors } U_{eff-haute,i} = U_{eff-200ms,i} \tag{5B}$$

NOTE Sur les réseaux monophasés, il existe une valeur unique d'évaluation de la «tension basse» et de la «tension haute» pour chaque intervalle. Sur des systèmes triphasés à 3 câbles, il y a 3 valeurs pour chaque intervalle. Sur un système à 4 câbles on peut mesurer soit 6 valeurs, soit 3 valeurs.

– **Classe S**

Non requis.

– **Classe B**

Non requis.

### 5.12.2 Incertitude de mesure et plage de mesure

Les valeurs efficaces sous-jacentes sur 10/12 périodes doivent être cohérentes avec les exigences de 5.2.2.

### 5.12.3 Agrégation

– **Classe A**

Evaluation des «tensions basses»:

$$U_{\text{basse}} = \frac{U_{\text{din}} - \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n U_{\text{eff-basse},i}^2}{n}}}{U_{\text{din}}} \quad [\%] \quad (6)$$

Où  $n$  = nombre de valeurs efficaces sur 10/12 périodes pour les tensions haute ou basse pendant l'intervalle d'agrégation.

Et  $U_{\text{eff-basse},i}$  est la valeur efficace 10/12 périodes d'indice  $i$ .

Evaluation des «tensions hautes»:

$$U_{\text{haute}} = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n U_{\text{eff-haute},i}^2}{n}} - U_{\text{din}}}{U_{\text{din}}} \quad [\%] \quad (7)$$

où

$U_{\text{eff-over},i}$  est la valeur efficace 10/12 périodes d'indice  $i$ .

NOTE Les équations (4) et (5) de tensions hautes et basses donnent des valeurs positives.

L'agrégation doit être réalisée conformément à 4.4 et 4.5.

– **Classe S**

Non requis.

– **Classe B**

Non requis.

## 6 Domaine de variation des grandeurs d'influence et vérification en régime établi

### 6.1 Domaine de variation des grandeurs d'influence

La mesure d'une caractéristique spécifique peut être défavorablement affectée par l'application d'une perturbation (grandeur d'influence) sur le signal électrique d'entrée. Par

exemple, la mesure du déséquilibre de la tension d'alimentation pourrait être défavorablement affectée si la forme d'onde de tension est en même temps soumise à une perturbation harmonique.

Le résultat de mesure d'un paramètre doit être dans la plage de précision de mesure spécifiée à l'Article 5 lorsque tous les autres paramètres sont dans leur plage de grandeur d'influence indiquée dans le Tableau 1.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 61000-4-30:2008  
Withdrawn

Tableau 1 – Plage de grandeur d'influence

Article et paramètre	Classe	Plage de la grandeur d'influence
5.1 Fréquence	A	42,5 Hz ~ 57,5 Hz, 51 Hz ~ 69 Hz
	S	42,5 Hz ~ 57,5 Hz, 51 Hz ~ 69 Hz
	B	42,5 Hz ~ 57,5 Hz, 51 Hz ~ 69 Hz
5.2 Amplitude de la tension d'alimentation	A	10 % ~ 200 % $U_{din}$
	S	10 % ~ 150 % $U_{din}$
	B	10 % ~ 150 % $U_{din}$
5.3 Papillotement («flicker»)	A	0 ~ 20 $P_{st}$
	S	0 ~ 10 $P_{st}$
	B	N/A
5.4 Creux et surtensions	A	N/A
	S	N/A
	B	N/A
5.5 Coupures	A	N/A
	S	N/A
	B	N/A
5.7 Déséquilibre	A	0 % ~ 5 % $u_2$ , 0 % ~ 5 % $u_0$
	S	0 % ~ 5 % $u_2$
	B	SBM
5.8 Harmoniques de tension	A	200 % de la classe 3 de la CEI 61000-2-4
	S	200 % de la classe 3 de la CEI 61000-2-4
	B	200 % de la classe 3 de la CEI 61000-2-4
5.9 Interharmoniques de tension	A	200 % de la classe 3 de la CEI 61000-2-4
	S	200 % de la classe 3 de la CEI 61000-2-4
	B	200 % de la classe 3 de la CEI 61000-2-4
5.10 Signaux de transmission	A	0 % ~ 15 % $U_{din}$
	S	0 % ~ 15 % $U_{din}$
	B	0 % ~ 15 % $U_{din}$
5.12 Tensions haute/basse	A	N/A
	S	N/A
	B	N/A
Tensions transitoires Norme CEI 61180	A	6 kV crête
	S	N/R
	B	N/R
Transitoires rapides CEI 61000-4-4	A	4 kV crête
	S	N/R
	B	N/R
SBM= spécifié par le constructeur N/R = pas d'exigence N/A = non applicable		
NOTE Pour les exigences de sécurité, de CEM ou climatiques, se rapporter aux normes produit, par exemple la CEI 61557-12.		

L'appareil de mesure doit tolérer les signaux dans la plage de grandeur d'influence sans décaler la mesure des autres paramètres au delà de leurs exigences d'incertitudes, et sans dommage à l'appareil de mesure. L'appareil de mesure peut indiquer des dépassements pour des signaux supérieurs à la plage de mesure, jusqu'à la plage de la grandeur d'influence (mais sans inclure les transitoires et les transitoires rapides).

Pour les transitoires et les transitoires rapides, il ne doit y avoir aucun effet sur aucune mesure après le transitoire. Les transitoires sont appliqués sur les terminaux de mesure, pas sur les terminaux de puissance de l'appareil de mesure.

## 6.2 Vérification de performance en régime établi

Les essais ci-dessous confirment que les signaux en régime établi sont mesurés dans leur plage d'incertitude spécifiée avec des grandeurs d'influence appliquées.

Ces essais sont nécessaires mais pas suffisants pour vérifier qu'une implémentation satisfait aux exigences de la présente norme. Pour vérifier intégralement que les méthodes de mesure de l'Article 5 ont été implémentées correctement, des essais et/ou validations complémentaires peuvent s'avérer nécessaires.

NOTE 1 Se reporter à l'annexe C pour les détails.

### – Classe A

Pour confirmer que les performances en régime établi d'un appareil de mesure sont correctes, les essais ci-dessous sont appliqués.

NOTE 2 Ces essais sont exigés comme essais de type, pas comme essais individuels de série.

L'incertitude d'un appareil de mesure doit être testée comme suit pour chaque grandeur à mesurer (voir Tableau 2):

- sélectionner une grandeur à mesurer (valeur de tension efficace, par exemple);
- maintenir toutes les autres grandeurs dans les conditions d'essai 1 et vérifier l'incertitude de mesure de la grandeur à tester en 5 points approximativement équidistants dans la plage de mesure, incluant les limites inférieure et supérieure (par exemple, 10 % de  $U_{din}$ , 45 % de  $U_{din}$ , 80 % de  $U_{din}$ , 115 % de  $U_{din}$ , 150 % de  $U_{din}$  pour la classe A);
- maintenir toutes les autres grandeurs dans les conditions d'essai 2, répéter l'essai;
- maintenir toutes les autres grandeurs dans les conditions d'essai 3, répéter l'essai.

D'autres conditions d'essais peuvent être utilisées en plus des conditions d'essais spécifiées au Tableau 2. Dans ce cas, les valeurs choisies pour chaque grandeur d'influence doivent être dans le domaine de variations de cette grandeur d'influence.

NOTE 3 Dans l'interprétation du présent paragraphe, il est convenu que 15 séries d'états d'essai seront sélectionnées pour chacun des paramètres mesurés. Pour les paramètres qui ont de multiples sous-paramètres, (par exemple, les harmoniques en tension comportent cinquante harmoniques individuelles) sélectionner un sous-paramètre représentatif.

NOTE 4 Certaines grandeurs d'influence n'influencent pas sur une grandeur mesurée (par exemple, les harmoniques n'influenceront pas la mesure de déséquilibre). D'autres grandeurs d'influence influent sur la valeur mesurée d'un paramètre (par exemple, les harmoniques influencent la mesure de la tension efficace). Dans les deux cas, l'incertitude de mesure sera respectée.

**Tableau 2 – Vérification de l'incertitude en régime établi pour la classe A et la classe S**

Grandeurs d'influence	Conditions d'essai 1	Conditions d'essai 2	Conditions d'essai 3
Fréquence	$f_{nom} \pm 0,5 \text{ Hz}$	$f_{nom} - 1 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz}$	$f_{nom} + 1 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz}$
Amplitude de tension	$U_{din} \pm 1 \%$	Déterminées par papillotement, déséquilibre, harmoniques, interharmoniques (ci-dessous)	Déterminées par papillotement, déséquilibre, harmoniques, interharmoniques (ci-dessous)
Papillotement («flicker»)	$P_{st} < 0,1$	$P_{st} = 1 \pm 0,1$ – modulation rectangulaire avec 39 variations par minute	$P_{st} = 4 \pm 0,1$ – modulation rectangulaire avec 110 variations par minute
Déséquilibre	100 % $\pm$ 0,5 % de $U_{din}$ sur toutes les voies. Tous les angles de phase à 120° équivalent à $u_0 = 0 \%$ , $u_2 = 0 \%$	73 % $\pm$ 0,5 % de $U_{din}$ Voie 1 80 % $\pm$ 0,5 % de $U_{din}$ Voie 2 87 % $\pm$ 0,5 % de $U_{din}$ Voie 3 tous les angles de phase à 120° (équivalent à $u_0 = 5,05 \%$ , $u_2 = 5,05 \%$ )	152 % $\pm$ 0,5 % de $U_{din}$ Voie 1 140 % $\pm$ 0,5 % de $U_{din}$ Voie 2 128 % $\pm$ 0,5 % de $U_{din}$ Voie 3 tous les angles de phase à 120° (équivalent à $u_0 = 4,95 \%$ , $u_2 = 4,95 \%$ )
Harmoniques	0 % à 3 % de $U_{din}$	10 % $\pm$ 3 % de $U_{din}$ rang 3 à 0° 5 % $\pm$ 3 % de $U_{din}$ rang 5 à 0° 5 % $\pm$ 3 % de $U_{din}$ rang 25 à 0°	10 % $\pm$ 3 % de $U_{din}$ rang 7 à 180° 5 % $\pm$ 3 % de $U_{din}$ rang 13 à 0° 5 % $\pm$ 3 % de $U_{din}$ rang 25 à 0°
Interharmoniques	0 % à 0,5 % de $U_{din}$	1 % $\pm$ 0,5 % de $U_{din}$ à $7,5 f_{nom}$	1 % $\pm$ 0,5 % de $U_{din}$ à $3,5 f_{nom}$

Lors de la vérification de la méthode de mesure de l'amplitude de la tension d'alimentation remplacer  $U_{din}$  dans le Tableau 2 par la valeur de tension d'alimentation qui a été retenue pour l'essai.

– **Classe S**

Identique à la classe A.

– **Classe B**

Aucune exigence d'essai d'incertitude en régime établi n'est spécifiée.

## **Annexe A** (informative)

### **Mesures de la qualité de l'alimentation – Informations et lignes directrices**

#### **A.1 Généralités**

La présente annexe constitue un complément informatif à la partie normative de la présente norme.

Les deux articles suivants concernent des questions générales et des procédures de mise en œuvre des mesures applicables quel que soit l'objet de ces mesures:

- A.2 – Recommandations d'installation
- A.3 – Transducteurs

Les articles suivants concernent des méthodes pré-normatives de mesure :

- A.4 – Tensions et courants transitoires
- A.5 – Variations rapides de tension
- A.6 – Courant
- A.7 – Caractéristiques des creux de tension

#### **A.2 Recommandations d'installation**

##### **A.2.1 Installation**

Lors de l'installation d'un appareil de mesure de qualité, il est nécessaire d'assurer la sécurité de l'installateur et des autres personnes, l'intégrité du système contrôlé et l'intégrité de l'appareil de mesure lui-même.

De nombreuses installations sont par nature provisoires et ne requièrent pas les mêmes pratiques de mise en œuvre que les installations permanentes, mais il est impératif de respecter la réglementation locale dans tous les cas. Les lois, règlements et règles locales de sécurité remplaceront la plupart des points cités ci-dessous et seront toujours prioritaires sur les recommandations listées dans la présente norme. Toutes les exigences de sécurité locales et nationales doivent être respectées (par exemple, exigence d'équipement de protection du personnel).

##### **A.2.2 Cordons de mesure**

###### **A.2.2.1 Connexions des cordons de mesure**

Pour la sécurité, la CEI 61010, qui donne les règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire, s'applique.

Le raccordement des cordons de mesure sur les tableaux de distribution ou les répartiteurs sera effectué de manière à ne pas empêcher le fonctionnement des dispositifs auxquels ils sont raccordés. Il s'agit en particulier de remettre en position de fonctionnement les portes, capots et panneaux d'accès (c'est-à-dire fermés, remontés avec toutes leurs vis, etc.). Si des panneaux restent ouverts pendant la mesure, des moyens appropriés seront prévus pour limiter l'accès à la zone et informer les personnels de la présence du dispositif de mesure et de l'identité de la personne responsable sur le site.

Il est recommandé dans la plupart des cas de fixer l'appareil de mesure à l'endroit spécialement destiné aux mesures ou au comptage dans les installations.

Les cordons de mesure seront acheminés à l'écart de conducteurs non isolés, objets tranchants, champs électromagnétiques à hautes et basses fréquences et autres environnements agressifs. Ils seront si possible enroulés ou attachés à un corps solide afin d'éviter toute déconnexion accidentelle.

#### **A.2.2.2 Cordons de mesure de tension**

Les cordons dotés d'un fusible à la pointe de touche, c'est-à-dire à l'extrémité raccordée au système à contrôler, améliorent la sécurité de la connexion. Il incombe au constructeur de l'appareil de mesure de spécifier le calibre du fusible, qui devra être suffisamment faible pour protéger le cordon de mesure contre les surcharges. En outre, la capacité de coupure du fusible devra être compatible avec le courant de défaut du réseau au point de raccordement.

Il faut que les cordons de mesure de tension ne soient ni enroulés autour de fils existants ni raccordés sur des connecteurs de disjoncteurs conçus pour ne recevoir qu'un seul conducteur. Il conviendra d'utiliser une connexion mécanique adaptée et correctement installée. Lorsque des clips sont utilisés dans des installations provisoires, ils devront être conformes à la CEI 61010. Il est indispensable que le clip soit calibré pour la tension maximale susceptible d'être appliquée et qu'il soit parfaitement installé mécaniquement. Lors de l'installation, l'installateur tiendra compte de ce qui pourrait se passer si le clip était accidentellement défilé, par exemple, par une traction brutale sur le câble.

Certains cordons de mesure sont dotés de prises isolées qui peuvent être enfichées les unes sur les autres. Il convient de prendre garde lors de l'empilage à n'établir que des connexions désirées sans créer accidentellement de courts-circuits. Toujours vérifier par deux fois que le raccordement des cordons n'introduit pas de courts-circuits. Par ailleurs, ne connecter les cordons au circuit à contrôler qu'après avoir connecté les cordons à l'appareil de mesure et vérifié que la connexion est correcte.

#### **A.2.2.3 Cordons de mesure de courant**

Il convient de vérifier que le circuit au secondaire des transformateurs de courant, s'il est utilisé, ne puisse s'ouvrir, c'est à dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de fusible dans ce circuit secondaire et il faut que le raccordement à la charge soit mécaniquement sûr.

Les pinces de courant et leurs cordons, utilisés pour des installations temporaires, seront conformes à la CEI 61010-2-032.

#### **A.2.3 Protection des parties sous tension**

Les capots ou panneaux sont souvent déposés pour l'installation ou pendant les périodes de mesure. Dans ce cas, toutes les parties sous tension seront protégées de manière adéquate et la zone maintenue hors d'accès. Si des bornes à vis sont utilisées dans l'appareil de mesure, des capots appropriés seront utilisés afin d'isoler les connexions. Toutes les connexions seront faites conformément aux spécifications et à l'objet du raccordement. Par exemple, il ne faut pas raccorder plusieurs fils sur une borne à vis conçue pour un seul fil.

#### **A.2.4 Emplacement des appareils de mesure**

Il est nécessaire que l'appareil de mesure soit bien fixé afin de minimiser son risque de déplacement ou d'ouverture des circuits de raccordement. Si une imprimante papier est utilisée pour l'édition des perturbations, il convient de prendre les précautions adéquates pour que l'accumulation du papier ne présente pas de danger. Les appareils de mesure ne seront pas entreposés dans des endroits où la température, l'humidité ou la poussière perturbent le processus de traitement des données.

L'appareil de mesure sera placé de manière à ne pas faire courir de risque aux personnes travaillant dans la zone. Une enceinte ou une barrière de protection peut parfois être utilisée à cette fin. Dans la mesure du possible, l'appareil de mesure ne sera pas placé dans un lieu de grand passage, comme par exemple dans un couloir très fréquenté.

Par ailleurs, il convient d'adopter un emplacement qui ne soit pas de nature à faire courir un risque particulier à la personne chargée d'installer l'appareil de mesure. De nombreux emplacements sont trop exigus ou d'accès trop difficile pour permettre le bon raccordement des cordons de mesure. Dans ce cas, un autre emplacement sera choisi.

Des facteurs environnementaux extérieurs risquent d'affecter le fonctionnement des appareils de mesure. Ces facteurs d'environnement incluent la température, l'humidité, les champs électromagnétiques à haute et basse fréquence, les décharges électrostatiques, les chocs mécaniques et les vibrations.

#### **A.2.5 Mise à la terre**

Tout appareil de mesure peut présenter des défauts internes. L'alimentation de l'appareil de mesure sera correctement reliée à la terre si le constructeur l'exige. De nombreux règlements de sécurité prescrivent également qu'une connexion de terre soit associée aux cordons de mesure de tension. Les appareils de mesure ayant deux connexions de terre ou plus (comme par exemple une connexion de terre pour l'alimentation et une autre pour les cordons de mesure) peuvent engendrer des boucles de terre (de masse) si les connexions de terre sont faites à partir de points physiques différents à l'extérieur de l'appareil de mesure. Le risque de créer une boucle de terre sur l'appareil de mesure et sur le système objet des mesures sera soigneusement considéré.

Les dangers liés au potentiel pour le personnel et l'appareil de mesure dus à la présence de potentiels élevés entre différents points du réseau de terre seront soigneusement pris en compte. L'utilisation de transformateurs d'isolement pour l'alimentation de l'appareil de mesure est utile dans la plupart des cas.

Dans tous les cas, la priorité sera accordée aux considérations de sécurité.

#### **A.2.6 Interférences**

Si l'appareil de mesure est connecté à un téléphone portable ou autre émetteur de radio, il convient de s'assurer que l'antenne de l'émetteur soit suffisamment éloignée des dispositifs susceptibles d'être sensibles aux interférences. Il s'agit par exemple de dispositifs de protection, d'appareils de surveillance médicale, d'appareils de mesure scientifiques, etc.

### **A.3 Transducteurs**

#### **A.3.1 Généralités**

Les appareils de mesure de la qualité, en particulier les appareils de mesure portatifs, sont en général dotés d'entrées conçues pour des applications à basse tension. Certains appareils de mesure de la qualité montés de manière fixe sont installés à une certaine distance du point du circuit où les paramètres doivent être mesurés. Dans les deux cas, un transducteur approprié peut être nécessaire pour abaisser la tension, pour isoler les circuits d'entrée de la tension réseau ou pour transmettre les signaux sur une certaine distance. Pour réaliser l'une ou l'autre de ces fonctions, un transducteur peut être utilisé, à condition que ses caractéristiques soient adaptées au paramètre concerné.

Sur les réseaux à basse tension, les appareils de mesure de la qualité sont en général connectés directement en tension au point concerné, mais des transducteurs sont souvent utilisés pour les mesures de courant.

Sur les réseaux à moyenne et à haute tension, des transducteurs sont utilisés pour les mesures de la qualité en tension et en courant.

L'utilisation de transducteurs pose deux problèmes importants:

- niveau des signaux: il est nécessaire que l'amplitude des signaux utilise la pleine échelle de l'appareil de mesure sans distordre ni écrêter le signal désiré;
- réponse en fréquence et en phase: ces caractéristiques sont particulièrement importantes pour les mesures de transitoires et d'harmoniques.

Afin d'éviter des mesures incorrectes, la pleine échelle, la linéarité, la réponse en fréquence et en phase et les caractéristiques de la charge du transducteur seront soigneusement prises en compte.

NOTE Les transducteurs de courant conçus pour les circuits de protections peuvent être moins précis que les transducteurs de mesure.

### **A.3.2 Niveau des signaux**

#### **A.3.2.1 Transducteurs de tension**

Le transducteur de tension le plus couramment utilisé est le transformateur de tension. On distingue deux types de transformateurs de tension: ceux qui sont utilisés pour des circuits de relais de protection et ceux utilisés pour des circuits de comptage. Le premier type est dimensionné de manière à fournir une réponse correcte même en cas de surtensions dues à un court-circuit déséquilibré. Le deuxième type est quant à lui destiné à protéger les appareils de mesure des surtensions du réseau. Dans cette dernière catégorie, le signal fourni est distordu en cas de saturation.

Lorsqu'un appareil de mesure est raccordé à un transformateur de tension utilisé pour d'autres fonctions (par exemple, comptage), il faut faire attention à ce que la charge additionnelle ne dépasse pas le calibre ou n'affecte pas l'incertitude des autres fonctions.

Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires pour faire des raccordements au secondaire d'un transformateur utilisé par un relais de protection. Toute erreur de raccordement peut entraîner le déclenchement intempestif du relais.

NOTE Pour plus de détails sur l'incertitude des transformateurs de tension, voir la CEI 60044-2.

#### **A.3.2.2 Transducteurs de courant**

En fonctionnement, la valeur du courant peut aller de 0 à la valeur de court-circuit du réseau surveillé. La valeur du courant de court-circuit peut être très au-dessus du niveau nominal du courant. Une valeur 20 fois supérieure à la valeur nominale n'est pas inhabituelle.

Le type de transducteur de courant le plus couramment utilisé est le transformateur de courant.

Certains transformateurs de courant sont équipés de deux ou plus de deux noyaux et/ou de deux enroulements secondaires: un pour les fortes intensités (20 à 30 fois le courant nominal), en général pour les relais de protection, et un autre pour les intensités nominales. Il convient de sélectionner le secondaire correct pour la mesure prévue. Avec des raccordements directs, un appareil de mesure peut être endommagé en cas de défauts si le secondaire incorrect a été sélectionné. Ces dommages peuvent accidentellement constituer un circuit ouvert sur le secondaire du transformateur. Ceci peut entraîner l'ouverture du circuit secondaire d'un transformateur de courant ce qui génère des tensions élevées dangereuses (et destructrices).

D'autres conditions peuvent affecter la précision de transducteurs, comme le centrage et l'angle que fait un conducteur lorsqu'il traverse la fenêtre d'un transducteur du type pince de courant.

NOTE Pour plus de détails sur les transducteurs de courant, voir la CEI 60044-1.

Des mesures de transitoires peuvent être effectuées avec des shunts ou des transformateurs de courant conçus pour avoir une bonne réponse à haute fréquence.

Les shunts coaxiaux sont habituellement utilisés en laboratoire mais ils présentent le désavantage, qu'il est nécessaire de les insérer dans des conducteurs dans lesquels un courant circule, et que le signal de sortie du shunt n'est pas galvaniquement isolé du circuit de puissance. En revanche, ils ne sont pas sensibles à la saturation et à la magnétisation résiduelle qui peuvent affecter les mesures effectuées avec des transformateurs de courant.

Les transformateurs de courant fonctionnant avec une charge résistive appropriée fournissent un signal en tension proportionnel au courant primaire. En général, le primaire se compose d'une ou plusieurs spires du circuit primaire bobinées à travers une ouverture dans un noyau. Le principal avantage de ces transducteurs de courant est d'assurer l'isolation des circuits de puissance et une large gamme de rapports ampères/volts. Un autre avantage est que certains transformateurs de courant (pas tous) ne nécessitent pas de déconnecter le conducteur de puissance de sa charge lors de l'installation.

D'autres types de transducteurs de courant sont parfois utilisés, y compris des détecteurs optiques à polarisation, des transducteurs à effet Hall.

### **A.3.3 Réponse en fréquence des transducteurs**

#### **A.3.3.1 Réponse en fréquence et phase des transducteurs de tension**

En général, les transducteurs de tension électromagnétiques de type transformateur présentent des réponses en fréquence et transitoires appropriées jusqu'à 1 kHz, mais la plage de fréquence peut parfois soit être limitée très en dessous de 1 kHz, soit s'étendre à quelques kilohertz.

De simples diviseurs capacitifs peuvent présenter une réponse en fréquence et en phase satisfaisante jusqu'à des centaines de kilohertz, voire plus; cependant dans de nombreuses applications, un circuit résonant est ajouté intentionnellement, ce qui rend la réponse en fréquence du diviseur capacitif inadaptée aux mesures à toute fréquence autre que la fréquence fondamentale.

Les diviseurs de tension résistifs peuvent présenter une réponse en fréquence et en phase satisfaisante jusqu'à plusieurs centaines de kilohertz. Ils peuvent toutefois introduire d'autres problèmes: par exemple la charge capacitive de l'appareil de mesure peut influencer leur réponse en fréquence.

#### **A.3.3.2 Réponse en fréquence et en phase des transducteurs de courant**

Les transformateurs de courant étant des dispositifs électromagnétiques bobinés, la réponse en fréquence varie en fonction de la classe de précision, du type (constructeur), du nombre de spires, du matériau et de la section du noyau, et de la charge du circuit secondaire.

En général, la fréquence de coupure d'un transducteur de courant s'étend de 1 kHz à quelques kilohertz, et la réponse en phase se dégrade à mesure qu'on se rapproche de la fréquence de coupure.

NOTE De nouveaux concepts de transducteurs de courant à fréquence de coupure plus élevée et présentant une plus grande linéarité sont en cours de développement (transducteurs optiques et à effet Hall). Il convient de prendre soigneusement en compte la coordination de l'isolement, les problèmes de bruit, le comportement à pleine échelle et les conditions de sécurité.

### A.3.4 Transducteurs de mesure de transitoires

Il est nécessaire de considérer deux questions importantes lors de la sélection de transducteurs pour mesurer les transitoires sur un réseau alternatif. D'une part, il convient que le niveau du signal utilise la pleine échelle de l'appareil de mesure sans distordre ou écrêter le signal lui-même. D'autre part, il convient que la réponse en fréquence (amplitude et phase) du transducteur soit adaptée au signal attendu.

#### – Transducteurs de tension

- Il convient que les transducteurs de tension soient suffisamment dimensionnés pour que les perturbations n'induisent pas de saturation. Pour les transitoires basse fréquence, ceci exige que le coude de la courbe de saturation du transducteur soit à au moins 200 % de la tension nominale du réseau.
- La réponse en fréquence d'un réducteur de tension de mesure standard dépend de son type et de sa charge. Avec une charge à haute impédance, la réponse est en général adéquate jusque 2 kHz environ, mais elle peut être moindre.
- Les transformateurs de tension à couplage capacitif ne fournissent en général pas de représentation précise des composantes à haute fréquence.
- Les mesures de transitoires hautes fréquences nécessitent un diviseur capacitif ou un diviseur purement résistif. Des diviseurs capacitifs spéciaux peuvent être utilisés pour les mesures exigeant une caractérisation précise des transitoires jusqu'à au moins 1 MHz.

#### – Transducteurs de courant

- Le choix du transducteur approprié pour le courant est plus difficile. Le courant dans un câble de distribution varie plus souvent et dans de plus grandes proportions que la tension.
- Les réducteurs de courant de mesure standards sont en général adaptés aux fréquences jusqu'à 2 kHz (l'erreur de phase peut devenir importante avant cette limite). Pour les fréquences plus élevées, il convient d'utiliser des transducteurs de courant à fenêtre présentant un rapport de transformation élevé (bobine toroïdale, circuit magnétique ouvert, shunt et pince).
- Les autres caractéristiques souhaitables des transducteurs de courant sont: rapport de transformation élevé, comme par exemple 2 000:5; moins de cinq spires au primaire; faible flux rémanent, comme par exemple 10 % de saturation du noyau; noyau magnétique de grande surface; résistance de l'enroulement secondaire et impédance de fuite faibles. Deux paramètres importants nécessitent d'être pris en compte lorsqu'on utilise un transducteur pour mesurer des courants transitoires; il s'agit du produit courant-temps ( $I.t$  max.) et du temps de montée/descente. Les valeurs usuelles de temps de montée (de 10 % à 90 %) sont situées dans la plage de 2 ns à 200 ns. Les valeurs usuelles du temps de descente vont de 0,1 % / $\mu$ s à 0,5 % /ms.

NOTE Dans les réseaux à haute et très haute tension, des mesures à haute fréquence et de transitoires peuvent être effectuées en utilisant les diviseurs capacitifs souvent disponibles sur les transformateurs de courant ou sur les transformateurs de courant enfilés sur les traversées à haute tension des transformateurs.

## A.4 Tensions et courants transitoires

### A.4.1 Généralités

Le présent article traite principalement des transitoires des réseaux à basse tension mais ne traite pas ceux des disjoncteurs à isolation gazeuse (GIS) ni ceux des réseaux HT.

Des transitoires se produisent sur les réseaux à courant alternatif. Traditionnellement, ils sont dénommés «tensions transitoires»; toutefois, dans de nombreux cas, le courant transitoire peut être plus important. La détection, la classification et la caractérisation des tensions transitoires sont des sujets complexes.